



รายงานการวิจัย

เรื่อง

การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนแลดไอร์อ่อน ในโอบตโดยวิธีพาร์เซียลซอเลจ

นายพิทักษ์ อุย่มี

พ.ศ. 2548

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำนำ

รายงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผ่านโนเลคไอร์อ่อนในโอบตโดยวิธีพาร์เซียลชอลเจล ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2548 เป็นงานวิจัยพื้นฐานทางวิชาศาสตร์ทางสาขาเคมีวัสดุศาสตร์ งานวิจัยเล่นนี้ได้แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น ๕ บท ดังนี้ บทนำ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป อกไปรษยและข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนหวังว่างานวิจัยนี้คงอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย ตามสมควร หากท่านที่นำไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย

พิทักษ์ อัญมี

พฤษภาคม 2548

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความช่วยเหลืออย่างดีขึ้นจาก รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ยังเป็นผลให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและช่วยตรวจทานงานวิจัยซึ่งยังผลให้ ได้มีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความ ช่วยเหลือในการใช้เครื่อง AAS และเครื่อง SEM ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD และเครื่องวิเคราะห์ ขนาดอนุภาค

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยและ อุปกรณ์ต่างๆ สร้างผลให้งานวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี

พิทักษ์ อัญมี

พฤษภาคม 2548

งานวิจัยเรื่อง	การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตโคบัตติพาร์เซียลซอลเจล
ชื่อผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ อัญมี
สถานที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
ปีการศึกษา	2548

บทคัดย่อ

ผงนาโนเดคไอร์อ่อนในไอโอเบต ($Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$; PFN) สามารถสังเคราะห์โคบัตติพาร์เซียลซอลเจล วิธีพาร์เซียลซอลเจล ได้จากการพัฒนากระบวนการเตรียม $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ โดยการใช้ผงไอร์อ่อนในไอโอเบต ($FeNbO_4$) ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีซอลเจลผสมกับผงเดคออกไซด์สำหรับการเตรียมไอร์อ่อนในไอโอเบต ได้จากการผสมสารตั้งต้นคลอไรด์ของไอร์อ่อนและในไอโอเบต ใช้แอนโนเนียมไไซดรอกไซด์เป็นตัวทำให้เกิดเจล จากนั้นทำการวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนของกลไกการเกิดของไอร์อ่อนในไอโอเบตด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตทริกและคิฟเฟอร์เรนเซียลเทอร์มอลอจะนาไลซิส (TG/DTA) และเทคนิคการเดี้ยวabenของรังสีเอกซ์ (XRD) พนวจณาผงไอร์อ่อนในไอโอเบตที่ได้จากการแคลไชน์เจลที่ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเฟสอห์โทรอมบิกที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการตรวจสอบพฤติกรรมการเกิดเฟสของเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตตามเงื่อนไขอุณหภูมิและเวลาโดยเครื่อง XRD จะได้เฟสคิวบิกของผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตแคลไชน์ที่ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง รูปร่างลักษณะของผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตที่แคลไชน์จะใช้กล้องถูกทรงเครื่องแบบส่องกล้องและการวิเคราะห์ขนาดอนุภาค พนวจนาขนาดอนุภาคเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 200-400 นาโนเมตร และวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาธาตุในองค์ประกอบของผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตด้วยเครื่องวัดการถูกกลืนแสง โดยจะต้องพนวจผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตมีค่าใกล้เคียงกับสูตร $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$,

ผงเดคไอร์อ่อนในไอโอเบตที่ได้จากการสังเคราะห์โคบัตติพาร์เซียลซอลเจลน้ำไปปั้นรูปและเผาชินเทอร์พนว่าที่อุณหภูมิ 1100°C มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 95.8 %

Research Title	Synthesis and Characterization of Nano Powders Lead Iron Niobate by Partial Sol Gel Method
Name	Assistant Processor Dr. Pitak Youmee
Institute	Pibulsongkram Rajabhat University
Year	2005

Abstract

Lead iron niobate ($\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$) nano powders had been synthesized by the partial sol gel methods. The partial sol gel method had been developed for the synthesis of PFN powders by mixing iron niobate (FeNbO_4) powders obtained by the sol gel method with PbO powders. The sol gel route provides new approaches for the synthesis of iron niobate powders. Chlorides of iron and niobium were used as the starting precursors. Ammonium hydroxide was employed as a sol agent to gel. The formation mechanism of iron niobate was clarified using thermogravimetric and differential thermal analyses (TG/DTA) and X-ray diffraction (XRD) technique. Iron niobate fine powders obtained from calcination of dried gel at 900°C for 4 hours was orthorhombic phase at room temperature. The formation of PFN phase synthesized by the partial sol gel was investigated as a function of calcination temperature and dwell time by XRD. A single rhombohedral phase of PFN powders was successfully obtained for a calcination temperature of 900°C for 3 hours. The morphology of the calcined powders of PFN was determined via scanning electron microscope and particle size analyses. Powders formed had an average particle size around 200-400 nm. Confirmation of all elements in the powders was quantitatively analyzed by AAS. These powders had good compositional homogeneity close to the stoichiometry of $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$.

The PFN powders from the partial sol gel method was pressed and sintered to obtain the density at 1100°C . with a maximum sintered density of 95.8 %.

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๒
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๕
สารบัญรูป	๖
รายการอักษรย่อ	๗

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 สมมติฐานการวิจัย	2
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย	3
1.6 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย	3
1.7 สถานที่ทำการวิจัย	4
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ	4
1.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	4

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์	5
2.2 วัสดุไครอเล็กทริก	7
2.2.1 วัสดุไโพอิเล็กทริก	7
2.2.2 วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก	9
2.3 เลดไออร์่อนในโอบেต	13
2.4 วิธีการสังเคราะห์ผงอิเล็กทรอนิกส์	15
2.4.1 วิธีการทำปฏิกิริยาในสภาพของแข็ง	15
2.4.2 วิธีไฮโดรร์มอล	17

2.4.3 วิธีการตอกตะกอนร่วม	18
2.4.4 วิธีซอกเจล	20
2.5 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงโดยอัตโนม	22
2.5.1 อุปกรณ์หลักในเครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงโดยอัตโนม	24
2.5.2 การทำปริมาณวิเคราะห์ด้วยเทคนิควัดการดูดกลืนแสงโดยอัตโนม	28
2.6 เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโนมิเตอร์	30
2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	31
2.8 การวิเคราะห์ทางความร้อน	33
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	39
3.1 วิธีการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบด	40
3.1.1 วิธีการสังเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบดโดยวิธีซอกเจล	39
3.1.2 วิธีการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบดโดยวิธีพาร์เซียลซอฟเจล	39
3.2 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงไอร์อ่อนในโอบด	41
3.2.1 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยการถ่ายตัวทางความร้อน	41
3.2.2 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบดโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโนมิเตอร์	41
3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบดโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	42
3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบดโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค	42
3.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงเดคไอร์อ่อนในโอบด	42
3.3.1 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบดโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโนมิเตอร์	42
3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบดโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	42
3.3.3 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบดโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค	43

2.4.3 วิธีการตัดตอนร่วม	18
2.4.4 วิธีซอลเจล	20
2.5 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงโดยละเอียด	22
2.5.1 อุปกรณ์หลักในเครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงโดยละเอียด	24
2.5.2 การทำปริมาณวิเคราะห์คุณภาพการดูดกลืนแสงโดยละเอียด	28
2.6 เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρεกตομιτερ	30
2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	31
2.8 การวิเคราะห์ทางความร้อน	33
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	39
3.1 วิธีการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	40
3.1.1 วิธีการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยวิธีซอลเจล	39
3.1.2 วิธีการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยวิธีพาร์เซียลซอลเจล	39
3.2 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงไอร์อ่อนในโอบต	41
3.2.1 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยการถ่ายตัวทางความร้อน	41
3.2.2 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบตโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρεกตομιτερ	41
3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	42
3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบตโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค	42
3.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	42
3.3.1 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρεกตομιตερ	42
3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic	42
3.3.3 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค	43

3.4 วิธีการวิเคราะห์ทางค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องวัดการกลืนแสงโดยอะตอม	43
3.4.1 วิธีการเตรียมสารละลายน้ำตรฐานตะกั่ว	43
3.4.2 วิธีการเตรียมสารละลายน้ำตรฐานของเหล็ก	43
3.4.3 วิธีการเตรียมสารละลายน้ำตรฐานของไนโอลีบีน	44
3.4.4 วิธีการเตรียมสารละลายน้ำด้วยยาจากผงเดคไอร์อ่อนในโอบตสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม	44
3.5 วิธีการเตรียมและหาคุณลักษณะของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบต	45
3.5.1 วิธีการเตรียมแผ่นเซรามิกไอร์อ่อนในโอบต	45
3.5.2 วิธีการวิเคราะห์เซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยเครื่องเอกซ์เรย์คิฟเฟอร์กโนมิตอเรร์	45
3.5.3 วิธีการวิเคราะห์เซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบตโดยกล้องชุดทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	45
3.5.4 วิธีทางความหนาแน่นแผ่นเซรามิก	46
3.5.5 วิธีวัดการหดตัวของแผ่นเซรามิก	46
บทที่ 4 ผลการวิจัย	47
4.1 ผลการสังเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบต	47
4.1.1 ผลการทดสอบที่เหมาะสมในสังเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบต	47
4.1.2 ผลวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนของเจลไอร์อ่อนในโอบต	49
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์คิฟเฟอร์กันชน	50
4.1.4 ผลการหารูปว่างลักษณะของผงไอร์อ่อนในโอบต	55
4.1.5 ผลวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคของผงไอร์อ่อนในโอบต	55
4.2 ผลการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	56
4.2.1 ผลการทดสอบทางการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	56
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์คิฟเฟอร์กันชน	57
4.2.3 ผลการหารูปว่างลักษณะของผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	60
4.2.4 ผลวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคของผงเดคไอร์อ่อนในโอบต	60

4.3 ผลการวิเคราะห์ทางค์ประกอบทางเคมีของผงเดคไอร์อ่อนในโอมเบต	61
4.4 ผลการวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอมเบต	66
4.4.1 ผลการวิเคราะห์เซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอมเบตด้วยเทคนิค เอกซ์เรย์ดิฟเฟรนซ์	66
4.4.2 ผลการหาความหนาแน่นของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอมเบต	68
4.4.3 ผลการศึกษาโครงสร้างทางชุลภาคของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอมเบต ด้วยกล้องชุลทรรศนิสต์เล็กต่อนแบบถ่ายกราด	70
4.4.4 ผลการวิเคราะห์ทำการทดสอบตัวของแผ่นเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอมเบต	73
บทที่ 5 สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ	75
5.1 สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห์ไอร์อ่อนในโอมเบตโดยวิธีซอลเจล	75
5.2 สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห์เดคไอร์อ่อนในโอมเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอลเจล	78
5.3 ข้อเสนอแนะ	80
บรรณานุกรม	81
ภาคผนวก	85
ประวัติผู้ทำวิจัย	89

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงประเภทอุปกรณ์และประวัติของอิเล็กทรอนิกส์ในห้องตัว	6
4.1 สรุปภาวะที่ใช้สังเคราะห์ผงไฮรอนในโอบเดตจากวิธีทดลอง	48
4.2 สีของเจลและลักษณะของผงไฮรอนในโอบเดตที่สังเคราะห์ได้	48
4.3 สรุปผลช่วงอุณหภูมิของน้ำหนักเจลที่สูญเสียไปและพลังงานที่เกี่ยวข้อง	49
4.4 เปอร์เซ็นต์ของเฟสเพอรอพสไกค์ของผงเคลดไฮรอนในโอบเดตที่เผาที่อุณหภูมิต่างๆ กัน	59
4.5 ค่าการคูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตราชูนตะกั่ว	61
4.6 ค่าการคูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตราชูนเหล็ก	62
4.7 ค่าการคูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตราชูนในโอบเมียน	63
4.8 ค่าการคูดกลืนแสงของตะกั่ว เหล็กและในโอบเมียน ในสารตัวอย่าง	65
4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงเคลดไฮรอนในโอบเดต	65
4.10 ค่าความหนาแน่นของเซรามิกเคลดไฮรอนในโอบเดตที่เผาขึ้นรูปอุณหภูมิต่างๆ	68
4.11 เปอร์เซ็นต์การหดตัวของแผ่นเซรามิก	73
4.12 สรุปข้อมูลคุณลักษณะของความหนาแน่นที่อุณหภูมิการเผาขึ้นรูปต่างๆ	74

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 วัสดุไฟอิโซอิเล็กทริก (ก) ไม่มีสนามไฟฟ้า ศูนย์กลางประจุบวกและประจุลบไม่อยู่ที่เดียวกัน, (ข) ใส่ความดันเข้าไป (ค) ใส่ความดันเข้าไปและนิททางให้ไฟเดิน (ง) ใส่ความต่างศักย์จากภายนอก	8
2.2 สารเฟอร์โรอิเล็กทริก ($BaTiO_3$) (ก) สภาพมีขั้วปกติ (ข) สภาพมีขั้วกลับกันโดยจะเคลื่อนทั่ง Ti^{+4} และ O^{2-} เคลื่อนขึ้นค้านบน	11
2.3 เฟอร์โรอิเล็กทริก โดยเมนของหน่วยเซลล์ที่อยู่ติด ๆ กัน จะเกิดสภาพมีขั้วเหมือนกันและถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงโดยเมน	11
2.4 วงชีสเทอร์ซของเฟอร์โรอิเล็กทริก	12
2.5 หน่วยเซลล์ของโครงสร้างเพอร์อพสไกค์แบบ ABO_3	13
2.6 โครงสร้างผลึกของเลดไอร์ออนในโอบต	14
2.7 การเกิดปฏิกิริยาของอนุภาคในสภาพะของแข็ง	16
2.8 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสเปชิสท์ละลายน้ำหรือไฮดรอกซิลไออ่อนที่เวลาต่างซึ่งนำไปสู่การเกิดนิวเคลียสผลลัพธ์และการเติบโต	18
2.9 แผนภาพความเสถียรของสารละลายที่ค่า pH ต่าง ๆ โดยปกติสารละลายจะไม่เสถียรที่ความเป็นกรดค่างต่ำซึ่งสังเกตได้จากการตกตะกอน	19
2.10 กราฟนำตรวจของกรุดกลีนแสง	23
2.11 แผนภาพองค์ประกอบของเครื่องวัดกรุดกลีนแสงโดยละเอียด	24
2.12 ลักษณะของหลอดซอโลโลว์แคทode	25
2.13 ระบบเผาสาร	26
2.14 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเป้าไฟ	27
2.15 ส่วนประกอบของเอกสารเรย์ดิฟเฟรคตโนมิเตอร์	31
2.16 ส่วนประกอบของเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒	32
3.1 แผนภาพการสังเคราะห์ผงไอร์ออนในโอบตโดยวิธีซอโลเจล	40
4.1 TGA/DTA เทอร์โมแกรมของเจลไอร์ออนในโอบต	49
4.2 แบบอย่างการเลี้ยวบนของผงไอร์ออนในโอบตที่เพาท์อุณหภูมิ $600^{\circ}C$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	50

4.3 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาที่อุณหภูมิ 700°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	51
4.4 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาที่อุณหภูมิ 800°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	52
4.5 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	53
4.6 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 2, 3 และ 4 ชั่วโมง	54
4.7 รูปร่างลักษณะของผงไอร์อ่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	55
4.8 การกระจายตัวของผงไอร์อ่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	55
4.9 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงเคลดไอร์อ่อนในโอเนตเผาที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	57
4.10 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของผงเคลดไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาผงที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ	58
4.11 รูปร่างลักษณะของผงเคลดไอร์อ่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	60
4.12 การกระจายตัวของผงเคลดไอร์อ่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	60
4.13 グラฟมาตราฐานของสารละลายนามาตรฐานตะกั่ว	62
4.14 グラฟมาตราฐานของสารละลายนามาตรฐานเหล็ก	63
4.15 グラฟมาตราฐานของสารละลายนามาตรฐานในโอเมียน	64
4.16 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของเซรามิกเคลดไอร์อ่อนในโอเนตที่เผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C และ 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	67
4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการเผาขึ้นรูปกับปรอตเต็นต์ความ หนาแน่นตามทฤษฎี	69
4.18 รูปร่างลักษณะของเซรามิกเคลดไอร์อ่อนในโอเบตเผาที่ขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	70
4.19 รูปร่างลักษณะของเซรามิกเคลดไอร์อ่อนในโอเบตเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	71
4.20 รูปร่างลักษณะของเซรามิกเคลดไอร์อ่อนในโอเบตเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 1050°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	71

4.21 รูปร่างลักษณะของเซรามิกเดคไอร์่อนในอิอบเดเพาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 1100°C

72

เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

รายการอักษรย่อ

DTA	Differential Thermal Analysis
Endo	Endothermic
Exo	Exothermic
FN	Iron niobate (FeNbO_4)
g/cm^3	Gram per cubic centimetre
Hz	Hertz (Frequency)
JCPDS	Joint committee for powder diffraction standards
nm	nanometer
MLCC	Multilayer capacitor
PFN	Lead iron niobate ($\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$)
ppm	part per million
SEM	Scanning electron microscopy
TGA	Thermal Gravimetric Analysis
XRD	X-ray diffraction
$^\circ\text{C}$	Degree celcius
%	Percent

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์วัสดุอิเล็กทรอนิคที่ให้สมบัติทางกล สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกหรือไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานการผลิตอุปกรณ์จากวัสดุประภาค ไดอิเล็กทริก (dielectric) เฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric) และไพรโอโซอิเล็กทริก (piezoelectric) และตัวนำไฟฟ้า ซึ่งวัสดุอิเล็กทรอนิคเหล่านี้กำลังจะถูกพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชีวัน

สารเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric materials) มีสมบัติเด่นหลายอย่างที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุอิเล็กทรอนิค เนื่องจากมีค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกสูง มีค่าการสูญเสียไคลอิเล็กทริกต่ำ ค่าคงที่ไพรโอโซอิเล็กทริกสูงและสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กอื่น ๆ โดยเฉพาะสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ ได้ถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ไททานัต (barium titanate, BaTiO₃) ด้วยเหตุผลดังนี้คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่ำและมีค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกสูง ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการทำวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทำตัวเก็บประจุ ตัวแปลงสัญญาณ ตัวตรวจวัดแก๊ส และในแผ่นพลาสติกสีฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันนิยมสังเคราะห์สารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบโดยวิธีการทำปฏิกิริยากันในสภาวะของแข็งหรือวิธีทางกายภาพคือนำออกไซด์ของโลหะนาบคอมกันและเผาที่อุณหภูมิสูง ข้อดีของการสังเคราะห์แบบนี้คือทำได้ปริมาณมากและราคาถูกแต่ก็มีปัญหารื่องขนาดอนุภาคที่ใหญ่ ไม่สม่ำเสมอ ความบริสุทธิ์ต่ำ การควบคุมองค์ประกอบของสารทำได้ยาก นักจะเกิดมีไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ (pyrochlore) เสนอทำให้ต้องใช้อุณหภูมิในการเผาต่ำ

เลดไอรอนไนโอบেต (lead iron niobate, Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O₃) เป็นสารในกลุ่มตระกูลเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจ เพราะเป็นสารองค์ประกอบในวัสดุทางอิเล็กทรอนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลดไอรอนไนโอบেตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำตัวเก็บประจุหลายชั้น (multilaylar ceramic capacitor, MLCC) ซึ่งให้ค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกสูงและใช้อุณหภูมิในการเผาต่ำ

จึงมีการคิดวิธีที่จะสังเคราะห์สารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบโดยวิธีทางเคมี เพราะเป็นเทคนิคที่ให้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้ขนาดอนุภาคในระดับนาโน ใช้อุณหภูมิในการเผาต่ำกว่าวิธีการทำปฏิกิริยา กันในสภาพของแข็งและสามารถทำปฏิกิริยา กันในระดับโนเบต ซึ่งจะมีผลต่อสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ เช่น วิธีไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal method) วิธีการตกตะกอนร่วม (coprecipitation method) วิธีชอลเจล (sol gel method) จะพบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมองค์ประกอบของผงเดคไอร์่อน ในโนเบตเนื่องจากมีจำนวนองค์ประกอบหลายตัวและสังเคราะห์ยากมาก มักจะเกิดมีเฟสที่ไม่ต้องการเสนอในระหว่างการสังเคราะห์ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการสังเคราะห์สารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ

ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสังเคราะห์ผงเดคไอร์่อน ในโนเบต โดยวิธีพาร์เซียลชอลเจลแบบใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่คิดขึ้นจากฐานความรู้เดิมเป็นวิธีการสังเคราะห์โดยนำเทคนิคชอลเจลและทางกายภาพผสมกันเพื่อแก้ปัญหาการสังเคราะห์สารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ ซึ่งคาดว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่มีข้อดีของการสังเคราะห์คือ ได้ผงละเอียดในระดับนาโน ที่มีความบริสุทธิ์สูง และได้อย่างค์ประกอบของสารสม่ำเสมอ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ผงเดคไอร์่อน ในโนเบต โดยวิธีพาร์เซียลชอลเจล
2. เพื่อตรวจหาคุณลักษณะของผงเดคไอร์่อน ในโนเบตที่สังเคราะห์ได้
3. เพื่อตรวจหาคุณลักษณะของเชรานิคเดคไอร์่อน ในโนเบต

1.3 สมมติฐานการวิจัย

สามารถสังเคราะห์ผงเดคไอร์่อน ในโนเบต โดยวิธีพาร์เซียลชอลเจล

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1. สังเคราะห์ผงไอร์่อน ในโนเบต โดยวิธีชอลเจล
2. สังเคราะห์ผงเดคไอร์่อน ในโนเบตจากผงไอร์่อน ในโนเบต กับตะกั่วออกไซด์
3. อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการแคลใจน์เดคไอร์่อน ในโนเบตที่สังเคราะห์ได้
4. ตรวจหาลักษณะเฉพาะของผงไอร์่อน ในโนเบต และผงเดคไอร์่อน ในโนเบต
5. ตรวจหาลักษณะเฉพาะของเชรานิคเดคไอร์่อน ในโนเบต

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย

1. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์ผงเลดี้อิอร์่อนในโอบেตโดยวิธีพาร์เซียลซอลเจล
2. เตรียมผงไอยร์่อนในโอบেตโดยวิธีซอลเจล ใช้สารตั้งต้นระหว่างเหล็กคลอไรค์ (FeCl_3) กับไนโอบีเมนคลอไรค์ (NbCl_5) และหาสภาวะที่เหมาะสม เช่น ความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ ความเป็นกรดค้าง ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น
3. นำผงไอยร์่อนในโอบেตที่ได้มาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและความบริสุทธิ์โดย
 - 3.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน (Termogravimetric Analysis and Differential Thermal Analysis, TGA/DTA)
 - 3.2 ศึกษาเฟสที่ต้องการด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกไโนมิเตอร์ (X-ray Diffractometer, XRD)
 - 3.3 ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (Scanning Electron Microscope, SEM)
 - 3.4 ศึกษาการกระจายตัวและขนาดของอนุภาคด้วย Particle size analyzer
4. นำผงไอยร์่อนในโอบे�ตมาทำปูนกับตะกั่วออกไซด์โดยวิธีการเกิดปูน (Calcination) ในสภาวะของแข็งหรือวิธีทางกายภาพ
5. นำผงเลดี้อิอร์่อนในโอบেตที่ได้มาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและความบริสุทธิ์โดย
 - 5.1 ศึกษาเฟสที่ต้องการด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกไโนมิเตอร์
 - 5.2 ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด
 - 5.3 ศึกษาการกระจายตัวและขนาดของอนุภาค
 - 5.4 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS)
6. นำเซรามิกเลดี้อิอร์่อนในโอบেตที่ได้มาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ
 - 6.1 ศึกษาเฟสด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกไโนมิเตอร์
 - 6.2 ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด
 - 6.3 หาความหนาแน่นของผ่นเซรามิก
7. วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

1.6 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย

ใช้ระยะเวลา 1 ปี

1.7 สถานที่ทำการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. เลดิโอร์ออนไนโอบেต (lead iron niobate; $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$; PFN) หมายถึงสารประกอบโลหะออกไซด์พากเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ
2. ไอร์ออนไนโอบেต (iron niobate; $FeNbO_4$; FN) หมายถึงสารประกอบออกไซด์ของโลหะแท่นซิชันกลุ่ม ABO_4 ที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า
3. แคลคไซน์ (calcine) หมายถึง การเผาให้เป็นผงสารประกอบอนินทรีย์ในบรรยายกาศออกซิเจน
4. วิธีพาร์เซียลซอลเจล (partial sol -gel method) หมายถึง วิธีการเตรียมสารประกอบออกไซด์แบบผสานระหว่างวิธีซอลเจลและวิธีการเกิดปฏิกิริยาในสภาพะของแข็ง
5. วิธีซอลเจล (sol -gel method) หมายถึง การเตรียมสารประกอบออกไซด์ที่ใช้ซอลเจลเป็นตัวตั้งต้น
6. วิธีการทำปฏิกิริยาในสภาพะของแข็ง (solid state reaction) หมายถึงการเตรียมสารประกอบออกไซด์ที่ใช้การบดผสมโลหะออกไซด์ในสถานะของแข็ง

1.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ผงเดคไอร์ออนไนโอบেต
3. ได้สมบัติคายภาพบางประการของผงเดคไอร์ออนไนโอบেต
4. ได้สมบัติคายภาพบางประการของเซรามิกเดคไอร์ออนไนโอบেต

บทที่ 2

แนวคิดกฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในกลางทศวรรษ 1980's ได้มีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบออกไซด์ เช่น แบนเรย์น ไทเทเนต (barium titanate, BaTiO₃) เดคเซอร์โคเนต ไทเทเนต (lead zirconate titanate, Pb(Zr_{1/2}Ti_{1/2})O₃) และเดค ไทเทเนต (lead titanate, PbTiO₃) เป็นต้น ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์ ฟลั่ม บางและไฟเบอร์ เพื่อให้มีสมบัติพิเศษทางกายภาพ ไฟฟ้า แม่เหล็ก หรือแสง ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายทาง การสังเคราะห์สารประกอบออกไซด์สามารถใช้ทำเป็นสารไฟอิเล็กทริก และเฟอร์โรอิเล็กทริก ซึ่งใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ทางด้านการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวตรวจจับสัญญาณ ระบบความจำ รวมถึงตัวเก็บประจุ เป็นต้น ในอนาคตจะมีการนำสารไฟอิเล็กทริกไปรวมเข้ากับพอลิเมอร์เกิดเป็นสารประกอบไฟอิโซเชรามิก-พอลิเมอร์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแปลงสัญญาณหรือทางการแพทย์ (Haertling, 1999 :799)

2.1 ความหมายของอิเล็กทรอเชรามิก

สารอิเล็กทรอเชรามิก (electroceramic) ส่วนใหญ่คือสารประกอบโลหะออกไซด์ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันได้มีการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งสารอิเล็กทรอเชรามิกเป็นวัสดุที่มีสมบัติพิเศษเฉพาะด้านความการเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่มีสูตรเฉพาะตัวนักไม่พบในธรรมชาติ กระบวนการสังเคราะห์หรือการเกิดขึ้นอยู่กับการให้เงื่อนไขทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อุบัติเหตุ ฯลฯ ที่ต้องควบคุมอย่างระมัดระวัง สารอิเล็กทรอเชรามิกมีค่าคงที่ของอิเล็กทรอนิกส์ (dielectric constant) ที่สูงกว่า 1 จึงได้รับการสนใจในการนำสารนี้มาทำเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ เพราะค่าคงที่ของอิเล็กทริกสูงกว่าที่มีอยู่ในวัสดุอื่น ๆ ที่มีค่าคงที่ต่ำ เช่น แก้ว โลหะ ฯลฯ

ในปัจจุบันสารอิเล็กทรอเชรามิกหลักที่มีมากน้อยหลากหลายชนิด ได้แก่ อินซูลเตอร์ (insulator) เฟอร์ไรท์ (ferrites) สับสเตรต (substrate) เป็นต้น ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงประเภทอุปกรณ์และประโยชน์ของอิเล็กทรอนิคเมจิกบางตัว (Bhalla, 2004 : 5)

สารที่ใช้	สูตรโมเลกุล	อุปกรณ์	ประโยชน์
แบรีเซนสทรอนเซียมไททานेट เดคไอร์อ่อนในโอเบต	BaSrTiO_3 $\text{P}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$	ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุ	ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เดคเซอร์โคเนต เดคไททานेट	PbZrTiO_3 PbTiO_3	ไฟอิโซอิเล็กทริก ไฟอิโซอิเล็กทริก	ทำอย่างซึ่ดแลเตอร์
แบรีเซนไททานेट	BaTiO_3	ไฟอิโซอิเล็กทริก	ทำอย่างซึ่ดแลเตอร์
แบรีเซนไททานेट สทรอนเซียมไททานेट	BaTiO_3 SrTiO_3	เทอร์มิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์	ใช้ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ควบคุมอุณหภูมิ
สารแม่เหล็ก	$\text{M}^*\text{OFe}_2\text{O}_3$	เฟอร์ไรท์	ใช้ทำแม่เหล็ก
อลูมินา แบริลเลรีเซมออกไซด์ อลูมิเนียมไนไตร์ค	Al_2O_3 BeO AlN	ฐานไอซี ฐานไอซี ฐานไอซี	ใช้ทำฐานไอซี ใช้ทำฐานไอซี ใช้ทำฐานไอซี

หมายเหตุ

M^* เป็นโลหะใด ๆ เช่น Mg, Ba, Mn, Ni, Co รวมทั้ง Fe ด้วย

2.2 วัสดุไคอิเล็กทริก (Dielectric Materials)

วัสดุไคอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าหรืออาจกล่าวว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ดังนั้น โดยทั่วไปไม่เป็นวัสดุไคอิเล็กทริก แต่วัสดุเซรามิกและพอลิเมอร์ส่วนใหญ่จัดเป็นวัสดุไคอิเล็กทริก สมบัติที่สำคัญของการเป็นฉนวนไฟฟ้า คือ ความแข็งแรงไคอิเล็กทริก (dielectric strength) ซึ่งเป็น ปริมาณที่แสดงถึงความทนทานต่อความต่างศักย์ของวัสดุไคอิเล็กทริกซึ่งมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้า สูงสุดที่ไคอิเล็กทริกยังคงใช้งานได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อความยาวหนึ่งหน่วย (potential gradient, V/mm) และสามารถนำค่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวทางไฟฟ้า (electrical breakdown) วัสดุเซรามิกถูกใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้าโดยมีความ ทนไคอิเล็กทริกและสภาพด้านทานไฟฟ้าสูงมาก

2.2.1 วัสดุไฟอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Materials)

ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric effect) ถูกค้นพบโดยปีแอร์และเจก คูรี (Pierre and Jacques Curie) ในปี ก.ศ. 1892 คำว่าไฟอิโซ (piezo) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ ไฟอิซิน (piezin) ซึ่งแปลว่าแรงดันหรือแรงกด เมื่อให้แรงกดสารไฟอิโซจะเกิดกระแสไฟฟ้า ออกมายาวสุดนั้น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะแรงกดกระทำต่อผลึกจะกระตุ้นให้เกิดข้อหาง ไฟฟ้าในผลึกที่เป็นแบบไม่มีจุดกึ่งกลางของสมมาตร การที่แรงกดเหนือข่านามาให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก ในกรณีที่สารไฟอิโซอิเล็กทริกเป็นเซรามิกจะทำให้เกิด ประจุไฟฟ้าขึ้นเมื่อมีการให้แรงกระทำทางกดต่อวัสดุนั้นหรือในทางกลับกันวัสดุนั้นก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงขนาดได้เมื่อมีการให้กระแสไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งจำนวนประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหรือขนาดที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุนั้น

ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่งอธิบายได้โดยการพิจารณา律ปที่ 2.1 (ก) ที่มีการจัดเรียงไคลโอล- โนเมนต์จำนวนมากในหน่วยเซลล์ไปในทางเดียวกัน ทำให้เกิดโพลาไรเซชัน (polarization) ที่มี ประจุบวกรวมกันอยู่ทางด้านหนึ่งของผลึกและประจุลบอยู่อีกปลายด้านหนึ่ง เมื่อพิจารณา律ปที่ 2.1 (ข) และ (ง) จะพบว่า

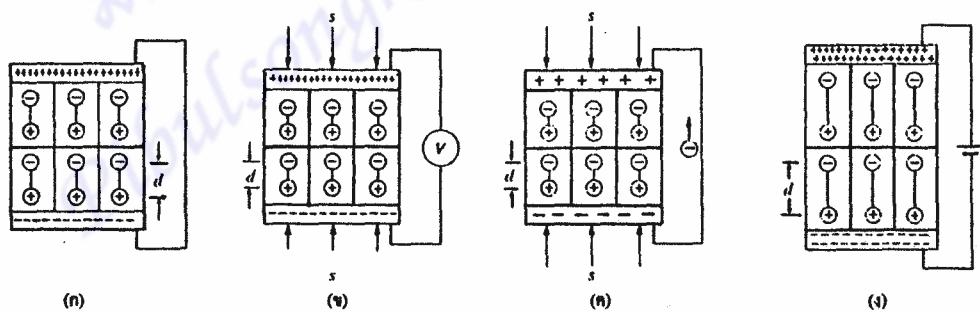
(1) เมื่อกด (หรือดึง) ผลึกความเค้น (*s*) จะเกิดความเครียด (*e*) ตามอัลตรัคติกอนดูลัสของ วัสดุและความเครียดที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงระยะทางไคลโอล (*d*) ซึ่งส่งผลไปยังโพลาไรเซชัน ($\sum Qd/V$) เพราะ *Q* และ *V* มีค่าคงที่ ถ้าโพลาไรเซชันคงคล่อง (เนื่องจากถูกกด *d* ลดลง) ก็จะมีประจุ อยู่หนาแน่นที่ปลายทั้งสองของผลึกและถ้าปลายทั้งสองไม่ได้อยู่ต่อกันจะไม่สามารถ สามารถวัดค่าความ

ต่างศักย์ (V) ที่เกิดขึ้นได้ดังแสดงในรูป 2.1 (ข) แต่ถ้าต่อ กันครบทรงไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะขับ ตำแหน่งจากปลายค้านหนึ่งไปยังอีกค้านหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 2.1 (ค)

(2) ถ้าไม่มีการใส่ความคันແຕใส่ความต่างศักย์เข้าไปทำให้ความหนาแน่นของประจุเพิ่มขึ้น ที่ปลายห้องส่อง โดยประจุลบภายใน BaTiO_3 จะถูกดึงเข้าหาขั้วบวกและประจุบวกจะถูกดึงใน ทิศทางตรงกันข้ามได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้โนเมนต์และระยะทางได้ใกล้เพิ่มขึ้นยังทำให้ ขนาดของผลึกเพิ่มขึ้นด้วย ดังแสดงในรูป 2.1 (ง)

ดังนั้นวัสดุไฟอิโซเล็กทริกสามารถแสดงปรากฏการณ์ของการมีสนามไฟฟ้าในวัสดุเมื่อ ได้รับความคันจากภายนอกและในทางตรงกันข้ามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกล (ขนาด) เมื่อได้รับ สนามไฟฟ้าภายนอกวัสดุที่สามารถแสดงสมบัติเหล่านี้ได้แก่ BaTiO_3 สารละลายนองแข็ง PbZrO_3 - PbTiO_3 และผลึกของควอตซ์ (SiO_2) เป็นต้น

ในการผิวของไฟอิโซเล็กทริกมักจะประกอบด้วยเลดคอฟไชค์ ไทเทเนียมออกไซด์ เชอร์โคนเนตและสารตัวเติม (additives) ที่เป็นออกไซด์ของโลหะ ทั้งนี้ส่วนผสมขนาดและรูปร่าง ไฟอิโซเล็กทริกเซรามิกจะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้ ก่อนที่จะนำเอาไฟอิโซเล็กทริกเซรามิกมาใช้งานนั้นจะต้องผ่านกระบวนการทำข้าว (electroding) และกระบวนการใส่ขั้วด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูงก่อน เพื่อทำให้โลหะทางไฟฟ้านมีการจัดเรียงตัวไว้ ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้า



รูปที่ 2.1 วัสดุไฟอิโซเล็กทริก (ก) ไม่มีสนามไฟฟ้า ศูนย์กลางประจุบวกและประจุลบไม่อยู่ที่ เดียวกัน, (ข) ใส่ความคันเข้าไป (ค) ใส่ความคันเข้าไปและมีทางให้ไฟเดิน (ง) ใส่ความต่างศักย์จาก ภายนอก (เอกสารนี้, 2543 :45)

2.2.2 วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric Materials)

ในปัจจุบันสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก (ferroelectric ceramics) มีส่วนสำคัญต่อตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากสารเฟอร์โรอิเล็กทริกแสดงหน้าที่สำคัญในวงจรทางไฟฟ้ากล่าวคือเป็นตัวเก็บประจุ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอินพิดเคนซ์ (impedance) เมื่อความถี่ของการใช้งานเปลี่ยนไปและสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้ากับพลังงานในรูปอื่น ๆ

หล่ายปีที่ผ่านมาสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีผู้สนใจทำการศึกษาคือ แบตเตอรี่ไทด์เจเนต เลเดเชอร์ไโคนเดตไทนานेट เดคไอร์รอน ในโอเบตและเลดแมกนีเซียมไโนบेट (lead magnesium niobate, $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$) เป็นต้น งานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปถึงการพัฒนาสมบัติของสารเหล่านี้ให้ใช้ได้กับอิเล็กโทรด (electrode) ที่มีราคาถูกกว่าไปถึงสามารถใช้กระบวนการผลิตที่มีสมบัติสม่ำเสมอทุกครั้งที่ทำการผลิต (reproducibility) การลดดันทุนโดยการใช้เงินกับแพลเดียม (silver-palladium, Ag-Pd) เป็นตัวอิเล็กโทรดแทนการใช้แพลเดียมอย่างเดียวในการทำตัวเก็บประจุที่มีชั้นของไอดิอิเล็กทริกหลาย ๆ ชั้นซ้อนกันอยู่และมีอิเล็กโทรดขั้นระหัวงชั้นเรียกโดยทั่วไปว่า ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น (multilayer ceramic capacitor, MLCC) นั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การลดอุณหภูมิในการเผาองค์สาร ไอดิอิเล็กทริกลง ถ้าอุณหภูมิในการเผาต่ำ (low sintering temperature) ก็สามารถเลือกใช้เปอร์เซ็นต์เงินที่สูงขึ้นได้

ความจำเป็นในการลดดันทุนดังกล่าวทำให้มีการคิดค้นสารใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังสารที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ (lead-based system) โดยทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อรีแล็กเซอร์เฟอร์โรอิเล็กทริก (relaxor ferroelectric) สารประเภทรีแล็กเซอร์เฟอร์โรอิเล็กทริกมีลักษณะเด่นคือสารเฟอร์โรอิเล็กทริกทั่วไป 2 ประการ

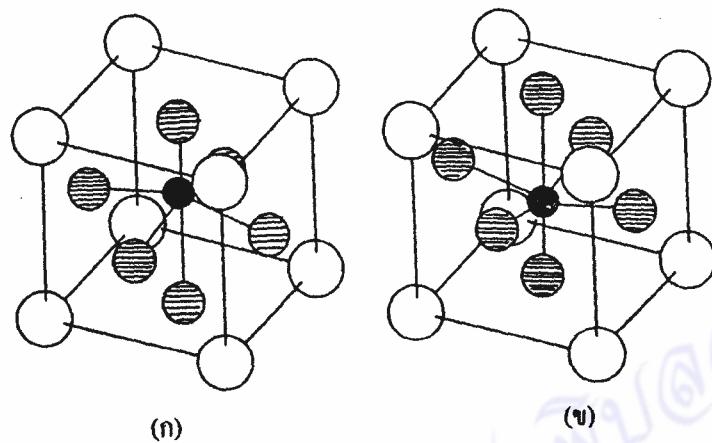
1. ค่าคงที่ไอดิอิเล็กทริกขั้นกับความถี่การใช้งาน

2. ค่าอุณหภูมิคิรี (curie temperature) ไม่ได้มีเพียงค่าเดียว กล่าวคือ อุณหภูมิคิรีเป็นอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟสจากเฟอร์โรอิเล็กทริกหรือสภาวะแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก (antiferroelectric state) ไปเป็นสภาวะพาราอิเล็กทริก (paraelectric state) นั้นช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนที่กว้างปริมาณของเฟสพาราอิเล็กทริกจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งเฟสทั้งหมดคลายเป็นพาราอิเล็กทริกช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสนี้อาจกว้างประมาณ $100-200^{\circ}\text{C}$

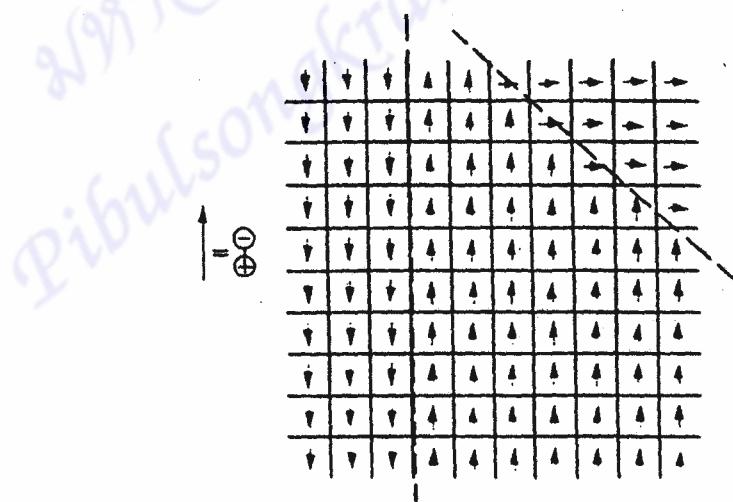
เนื่องจากอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสที่กว้างของสารประเภทรีแล็กเซอร์เฟอร์โรอิเล็กทริกนี้ ทำให้ค่าคงที่ไอดิอิเล็กทริกที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมนี้ไม่นานนัก ปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสมบัติทางไอดิอิเล็กทริกหรือคุณภาพของตัวเก็บประจุที่มีต่ออุณหภูมิก็จะหมดไป

สารประเทกทรีแล็กเซอร์ที่มีผู้ทำการศึกษาและวิจัยกันมากคือเลดเดนเทนัมเซอร์โโคเนตไทเทเนต (lead lanthanum zirconate titanate, $(\text{Pb}_x\text{La}_{1-x})(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$), $\text{P}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ หรือ PFN และ $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ หรือ PMN สารเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มของ ABO_3 เช่นเดียวกับแบบเรียนไทเทเนต โดยที่ A จะมีประจุ +2 และ B จะมีประจุ +4 หากแต่สารที่อยู่ส่วนของ A หรือ B เป็นรีแล็กเซอร์จะมีมากกว่า 1 ชนิดและอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบอิกหั้งต้องไม่ทำให้พัฒนาของประจุเปลี่ยนไป เพราะจะมีผลทำให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าลดลงตัวอย่างของสารมากกว่า 1 ชนิดที่มีอยู่ในส่วนของ B เช่น Zr^{4+} กับ Ti^{4+} ใน $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$ และ Mg^{2+} กับ Nb^{5+} ใน $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ นั่นเอง การศึกษาและการวิจัยโดยการเติมสารอื่น ๆ ลงไปใน PLZT, PFN และ PMN เพื่อพัฒนาสมบัติต่าง ๆ ให้ดีขึ้นยังคงดำเนินต่อไป นอกจากการศึกษาด้านกว้างเพื่อหาสารอื่นๆ เพิ่มเติมก็มีขึ้น เช่น $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ หรือ PZN หรือ $\text{Pb}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ หรือ PNN (Nair et al., 1996)

เมื่อพิจารณาสภาพนิ่วของควอตซ์โดยการจัดเรียงอะตอมในหน่วยเซลล์จะเป็นแบบตาราง เพราะหน่วยเซลล์ไม่สามารถจัดเรียงตัวใหม่ได้อีกโดยปลายด้านหนึ่งของผลึกจะมีสภาพเป็นวงเดือนและปลายอิกด้านหนึ่งจะมีสภาพเป็นลูบแสบมีอิกเช่นกันแต่ผลึกของ BaTiO_3 จะไม่เป็นเช่นนั้น ดังรูปที่ 2.2 ซึ่งการเคลื่อนที่ลงเพียงเล็กน้อยของ Ti^{4+} (และการเคลื่อนที่ขึ้นลงของ O^{2-}) จะเกิดผลึกที่มีถักยณะกลับกันเหมือนเงาในกระจก ทำให้สภาพนิ่วตรงข้ามกันและสภาพนิ่วจะเปลี่ยนกลับได้โดยการใส่สารแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกเข้าไปความสามารถในการกลับสภาพนิ่วนี้เรียกว่า เฟรโรอิเล็กทริกซิตี้ (ferroelectricity) ซึ่งมีผลทำให้เกิดเฟรโรอิเล็กทริกโดเมน (ferroelectric domain) เช่นเดียวกับโดเมนที่เกิดในสารแม่เหล็กดังแสดงในรูปที่ 2.3 โดยแต่ละโดเมนจะประกอบด้วยหน่วยเซลล์ที่สภาพนิ่วเหมือนกันและถูกแบ่งด้วยกำแพงโดเมน (domain wall) ซึ่งสามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยสารแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก

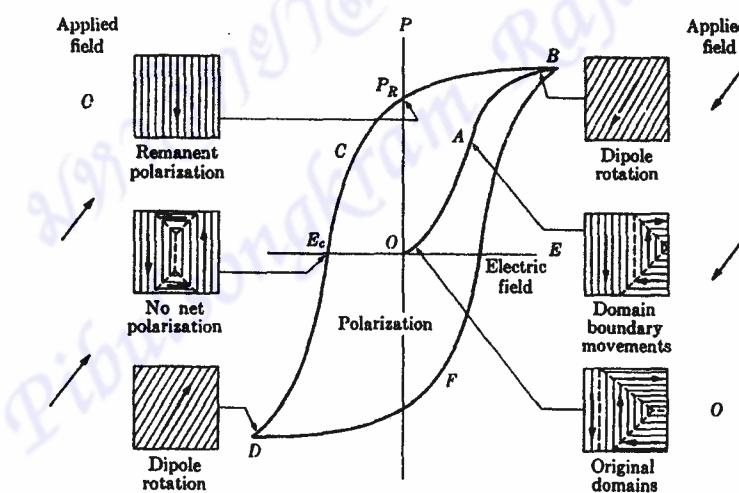


รูปที่ 2.2 สารเฟรโรอิเล็กทริก (BaTiO_3) (ก) สภาพมีข้อปิดตี (ข) สภาพมีข้อกลับกันโดยจะเคลื่อนที่ลง Ti^{+4} และ O^{2-} เคลื่อนขึ้นด้านบน (เอกสารนี้, 2543 :45)



รูปที่ 2.3 เฟร์โรอิเล็กทริกโดเมนของหน่วยเซลล์ที่อยู่ด้าน左 กัน จะเกิดสภาพมีช้าเหมือนกันและถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงโดเมน (สาระนี้, 2543 :46)

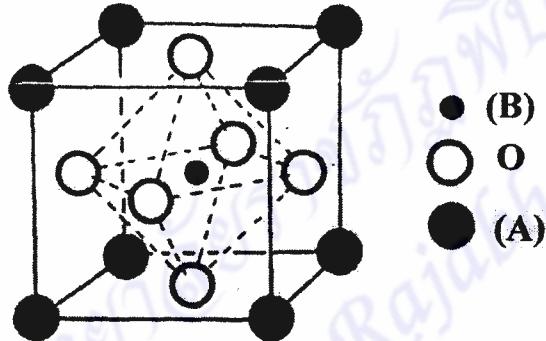
การมีโคลเมนในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกทำให้เกิดวงชีสเทอเรอซิส (hysteresis loop) ในสนาณไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 2.4 ซึ่งการเปลี่ยน polarity ไปเรียนจากจุด O ซึ่งเมื่อใส่สนาณไฟฟ้า E เข้าไปจะทำให้เกิด polarity ไปเรียนเพิ่มขึ้นในวัสดุ (จะเห็นการเคลื่อนข้ามของโคลเมน) ผ่านจุด A จนอีกตัวที่จุด B และเมื่อสนาณไฟฟ้าลดลงจน $E = 0$ ปรากฏว่า polarity ไปเรียนจะไม่กลับมาที่จุดเริ่มต้น เพราะยังมี polarity ไปเรียนเหลืออยู่ในวัสดุ (remanent polarization, P_R) และถ้าใส่สนาณไฟฟ้าในทิศตรงกันข้าม ($-E_c$) polarity ไปเรียนจะลดลงเหลือ 0 เรียกสนาณไฟฟ้าที่ทำให้ polarity ไปเรียนลดเหลือ 0 นี้ว่า สนาณคอร์ซีฟ (coercive field) เมื่อเพิ่ม $-E_c$ ต่อไปจนถึงจุด D polarity ไปเรียนจะอีกครั้งหนึ่งและถ้าลดสนาณไฟฟ้าจากจุด D จน $-E_c = 0$ ในทำนองเดียวกัน จะพบว่า polarity ไปเรียนยังคงเหลืออยู่ในวัสดุ ซึ่งถ้ากลับทิศของสนาณไฟฟ้าอีกครั้ง และเพิ่มต่อไปเรื่อยๆ จน polarity ไปเรียนเพิ่มลึกลงจุด B ก็จะได้วงชีสเทอเรอซิสครบวงพอดี



รูปที่ 2.4 วงชีสเทอเรอซิสของเฟอร์โรอิเล็กทริก (Bhalla et al., 2000 : 21)

2.3 เลดไออร์อ่อนในไอโอเบต

เพอรอพสไกค์ (perovskite) เป็นชื่อของแร่แคลเซียมไทเทเนต (calcium titanate, CaTiO_3) แคลเซียมไทเทเนตเป็นสารตัวแรก ๆ ที่ถูกใช้เป็นสารอิเล็กทรอนิคและยังมีอิทธิพลตัวเร่งแบบเรียน ไทเทเนต เลดไออร์อ่อน ในไอโอเบต เป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นแบบเพอรอพสไกค์ โดยทั่วไปสารกรุ่นเพอรอพสไกค์จะมีโครงสร้างทั่วไปเป็น ABO_3 เมื่อ O เป็นออกซิเจน A เป็นไอโอนของโลหะที่มีขนาดใหญ่ และ B เป็นไอโอนของโลหะที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างผลึกเพอรอพสไกค์แบบ ABO_3 แสดงดังรูปที่ 2.5



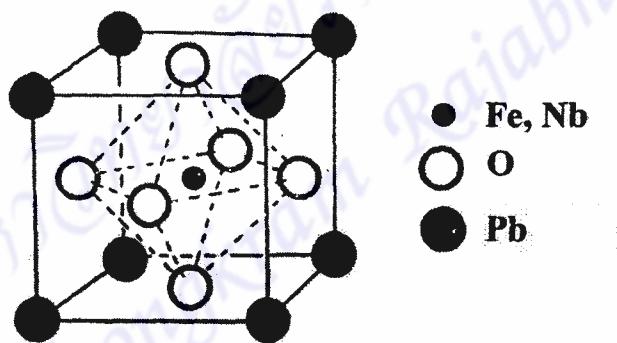
รูปที่ 2.5 หน่วยเซลล์ของโครงสร้างเพอรอพสไกค์แบบ ABO_3

ในหลายปีที่ผ่านมา มีการศึกษาสารกรุ่นเพอรอพสไกค์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ นักวิทยาศาสตร์พบว่าสารกรุ่นนี้มีค่าคงที่ไครอเดลิกทริกสูงมากซึ่งถูกเรียกว่า รีแลกเซอร์เพอรอพสไกค์ (relaxor perovskite) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกรุ่นเพอรอพสไกค์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ มีสูตรทั่วไปเป็น PbB'B''O_3 เมื่อ B' เป็นพวากแแคตไอโอนที่มีวิวัฒนาซึ่งมี Fe²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺, Sc³⁺ และ B'' เป็นพวากแแคตไอโอนที่มีวิวัฒนาซึ่งมี Nb⁵⁺, Ta⁵⁺, W⁶⁺ สารกรุ่นนี้ บางตัวสามารถเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพะที่เป็นระเบียบได้โดยการให้ความร้อนปกติแต่บางตัวไม่สามารถเปลี่ยนได้ยังคงอยู่ในสภาพะไม่เป็นระเบียบ

สารรีแลกเซอร์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบที่รู้จักกันคือ เลดไออร์อ่อน ในไอโอเบตหรือเลดเฟร์-โร ในไอโอเบต (lead ferroniobate) จัดเป็นสารกรุ่นเพอรอพสไกค์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ มีสูตรโนโลกุลเป็น $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ใช้สัญลักษณ์เป็น PFN ค้นพบครั้งแรกในปี ก.ศ. 1958 โดย Smolensky et al.

เลดไอร์ออนในไอโอเบตเป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นแบบเพอร์อพสไกค์ที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยายกาศปกติโครงสร้างผลึกของเลดไอร์ออนในไอโอเบตเป็นแบบปรอมไบซิครัล (rhombohedral) มีแลตทิซพารามิเตอร์ (lattice parameter) เป็น $a = 4.014 \text{ \AA}$, $\beta = 89.92^\circ$ จะมีสมบัติเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและแอนติเฟอร์โรแมกเนติก⁹ มีรายงานการศึกษาว่ามีการเปลี่ยนเฟสของเลดไอร์ออนในไอโอเบตที่ประมาณ 385-388 K จากรอมไบซิครัลไปเป็นสีเหลืองลูกบาศก์จะมีสมบัติเป็นพาราอิเล็กทริก (Mohan et al., 1996 : 2149-2151)

โครงสร้างผลึกเพอร์อพสไกค์ของเลดไอร์ออนในไอโอเบตประกอบไปด้วยเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันที่มุมของเครือข่ายออกตะไบซิครัลแบบ $(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ โดยที่อะตอมของ Fe^{3+} หรือ Nb^{5+} จะอยู่ศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ และมี Pb^{2+} เป็นไอออนอยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์และ O^{2-} เป็นไอออนอยู่ที่ศูนย์กลางของผิวน้ำสีเหลืองลูกบาศก์ทั้ง 6 ด้าน แสดงดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 โครงสร้างผลึกของเลดไอร์ออนในไอโอเบต

เลดไอร์ออนในไอโอเบตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัวเก็บประจุหลายชั้นเนื่องจากว่ามีค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกสูง ($>10^4$) และเพาท์อุณหภูมิต่ำประมาณ $1,000^\circ\text{C}$ มีรายงานว่าสมบัติทางไฟฟ้าของเลดไอร์ออนในไอโอเบตจะเข้ากับโครงสร้างทางชั้นๆ (microstructure) และสารเจือปนหรือเฟสที่ไม่ต้องการในเลดไอร์ออนในไอโอเบต เลดไอร์ออนในไอโอเบตมีค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกประมาณ 26,000 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าคงที่ไคลอิเล็กทริกของแร่เรียนไทเทเนต 4-5 เท่า (Ananta, 1999)

2.4 วิธีการสังเคราะห์ผงอิเล็กทรอเซรามิก

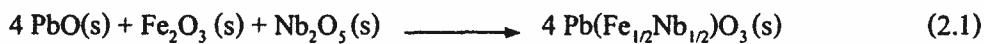
การที่จะพัฒนาสมบัติของผงอิเล็กทรอเซรามิกให้ดีขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการสังเคราะห์สารกลุ่มเพอร์อพสไกค์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุเพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย มีรายงานเกี่ยวกับขั้นตอนการสังเคราะห์สารกลุ่มเพอร์อพสไกค์ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก เช่น วิธีการทำปฏิกิริยา กันในสภาพของแข็ง (solid state reaction) วิธีไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal method) วิธีการตกตะกอนร่วม (co-precipitation method) และวิธีซอลเจล (sol-gel) เป็นต้น ในการสังเคราะห์สารประกอบที่เป็นผงอิเล็กทรอเซรามิก มีแนวทางในการสังเคราะห์อยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี้

2.4.1 วิธีการทำปฏิกิริยา กันในสภาพของแข็ง

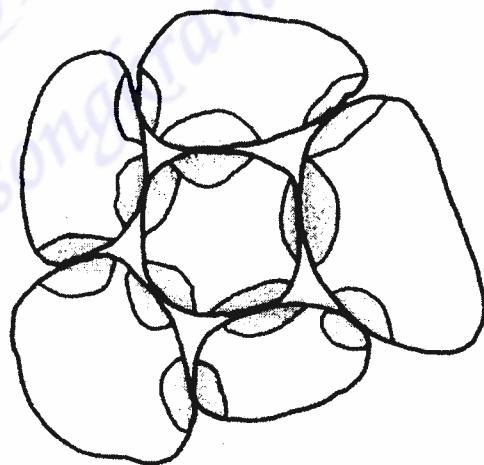
เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากตรงไปตรงมาคือการนำสารตั้งต้นที่อยู่ในสภาพที่เป็นผงแห้งชั่งให้ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการแล้วนำมายกคลุกเคล้ารวมกันซึ่งอาจใช้เครื่องเบเย่า หรือบดคลุกเคล้าในครกบดจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วง 800-1300 °C ด้วยเวลาเผาที่ต้องการ การสังเคราะห์ผงเซรามิกโดยวิธีนี้จะมีปัญหาร่องน้ำดอนบุบคาย ใหญ่ ไม่สม่ำเสมอ ความบริสุทธิ์ต่ำ การควบคุมองค์ประกอบของสารทำได้ยากจะเกิดมีไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ (pyrochlore) เสนอ ทำให้ต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสารอิเล็กทรอเซรามิกสูงมาก

กลไกการเกิดสารประกอบของโลหะออกไซด์ด้วยปฏิกิริยาในสภาพของแข็งมี 2 ขั้นตอน กือขั้นตอนแรกจะเกิดการรวมตัวกันของอนุภาคในสภาพของแข็งแสดงดังรูปที่ 2.7 ขั้นตอนการรวมตัวกันนั้นจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างอนุภาคและ การนำไฟฟ้าของอิเล็กตรอนในอนุภาคจาก การศึกษาพบว่าการรวมตัวกันระหว่างอนุภาคจะสูงเมื่อใช้ระยะเวลามากขึ้น เมื่อกลไกของปฏิกิริยาดำเนินไปได้หนึ่งในสามก็จะได้ผงเซรามิกโลหะออกไซด์ ขั้นตอนที่ 2 ไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาในสถานะของแข็งโดยตรงแต่เกิดจากอนุภาคของสารตั้งต้นในสภาพที่เป็นไอไปทำปฏิกิริยากับอนุภาคของแข็งด้วยกัน ๆ ในระบบ

ในการสังเคราะห์ผงเลดไอร์ออน ในโอเบตโดยวิธีการทำปฏิกิริยา กันในสภาวะของแข็งสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาข้างล่าง



มีรายงานการสังเคราะห์ผงเลดไอร์ออน ในโอเบตว่าเป็นการยากที่จะให้ไดองค์ประกอบ สม่ำเสมอทุกครั้ง ด้วยวิธีการทำปฏิกิริยา กันในสภาวะของแข็ง โดยใช้สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์สูง ของตะกั่วออกไซด์ (lead oxide, PbO) เหล็กออกไซด์ (iron oxide, Fe₂O₃) และ ในโอเบต นิโบียมออกไซด์ (niobium oxide, Nb₂O₅) ซึ่งตามสัดส่วนที่ต้องการผสมให้เข้ากันและเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้ Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O₃ และระหว่างการเผาจะเกิดเฟสของ Pb₃Nb₄O₁₃ และ Pb₂Nb₂O₇ เป็นเฟสที่ไม่ต้องการจากระบบทอง PbO-Nb₂O₅ และเฟสของ Pb₂Fe₂O₅ จากระบบทอง PbO-Fe₂O₃ (Ring, 1996)



รูปที่ 2.7 การเกิดปฏิกิริยาของอนุภาคในสภาวะของแข็ง

2.4.2 วิธีไฮโคลเทอร์มอล

วิธีไฮโคลเทอร์มอลเป็นวิธีการสังเคราะห์ผงเซรามิกส์ที่ใช้อุณหภูมิต่ำอยู่ในช่วงประมาณ $100\text{--}350^{\circ}\text{C}$ และความดันสูงมาก (ความดันสูงถึง 15 เมกะปascอล (MPa) หรือประมาณ 150 เท่าของความดันบรรยายกาศ) ซึ่งสูงกว่าวิธีการตกตะกอนร่วมและวิธีขอลเจล จากสภาวะดังกล่าวพบว่า มีอัตราจัดในธรรมชาติ เช่น ขนาดการเกิดแร่ธาตุต่าง ๆ ในไดคิน ขนาดการเกิดซีโอไลต์ (zeolite) เป็นต้น

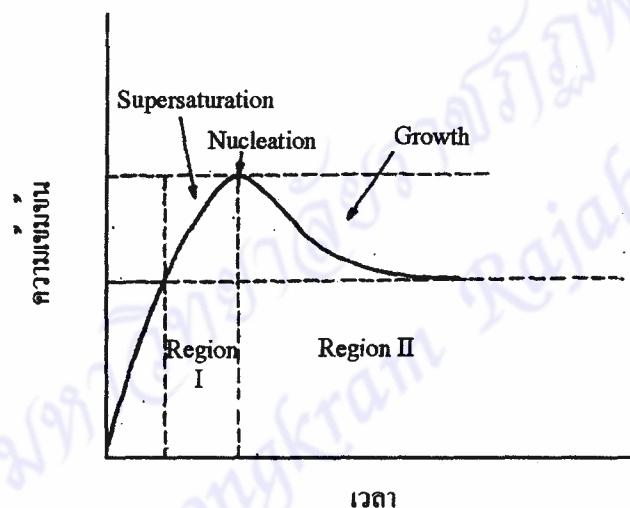
สารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในวิธีไฮโคลเทอร์มอลสามารถใช้ได้ทั้งบัคอกไฮด์ สารประกอบออกเลือดของโลหะออกไฮด์และสารประกอบไนโตรออกไฮด์ เป็นต้น กลไกการเกิดอนุภาคของของแข็งคือ กับกระบวนการวิธีการตกตะกอนจากสารละลายคือการเกิดนิวเคลียลีฟลีก (nucleation) และการเติบโตของนิวเคลียลีฟลีกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ สารละลายตั้งต้นจะถูกบรรจุในภาชนะปิดทรงกระบอกที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเรียกว่า บอมบ์ (bomb) ซึ่งมีวัสดุปิด-ปิดผิวด้านในของบอมบ์จะเคลือบด้วยเทฟลอน (teflon) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหลังจากสารละลายได้รับความร้อนโดยการนำบอมบ์ไปใส่ไว้ในเตาอบหรืออ่างควบคุมอุณหภูมิความร้อนหรือใช้ในโตรเวฟ หลังจากเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ จะเป็นวัสดุเพื่อลดความดันลง กรองเอาผงเซรามิกออก ล้างด้วยน้ำหรือแยกออกชุดและนำผงที่ได้ไปอบแห้ง

การสังเคราะห์ผงเซรามิกโดยวิธีไฮโคลเทอร์มอลจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าวิธีขอลเจลซึ่งเป็นข้อดีของวิธีนี้และประหยัดพลังงาน อีกทั้งหนึ่งคือในระบบของโลหะออกไฮด์ที่ไม่ละลายน้ำที่ความดันบรรยายกาศแต่ในระบบของไฮโคลเทอร์มอลอุณหภูมิประมาณ $100\text{--}350^{\circ}\text{C}$ ก็เพียงพอที่จะทำให้ความดันไปละลายสารตั้งต้น เปส หรือเกลือของโลหะรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นสารประกอบออกไฮด์ที่ต้องการได้ เพราะจะเกิดความร้อนยวดยิ่ง (super-heated) ในระบบ

ผงเซรามิกที่สังเคราะห์ผ่านกระบวนการไฮโคลเทอร์มอลจะเป็นผลึกที่ไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบและไม่เกิดการเกาะรวมตัวกันของอนุภาค การสังเคราะห์โดยวิธีนี้ไม่ต้องบดและเผา การลดขนาดของอนุภาคโดยวิธีไฮโคลเทอร์มอลก็สามารถทำได้โดยการลดอุณหภูมิลงก็สามารถลดขนาดของอนุภาคและสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรม วิธีไฮโคลเทอร์มอลเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ ข้อจำกัดของกรรมวิธีนี้คือขาดข้อมูลทางเทอร์โมไนมิกส์ที่จะนำไปใช้ประกอบการเลือกสภาวะการเตรียม เช่น ความเข้มข้นของสารตั้งต้น อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการวัดหรือคำนวณที่สภาวะมาตรฐานที่ 25°C และความดัน 1 บรรยายกาศ

2.4.3 วิธีการตกตะกอนร่วม

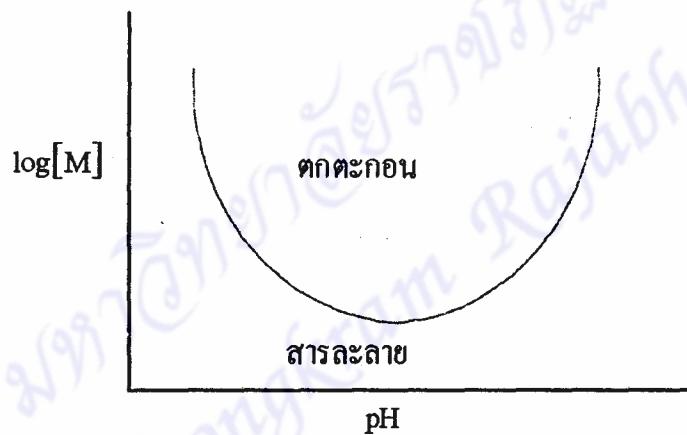
วิธีการตกตะกอนร่วมเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ค่อนข้างแพร่หลายเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องแก้วน้ำค่อนข้างหาซื้อยากและสามารถเตรียมได้ในสภาพบรรจุภัณฑ์ปิด密เนื่องจากสารตั้งต้นที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) กลไกการเกิดพังเพรานมิกจากสารละลายเกี่ยวข้องกับการเกิดอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า การเกิดนิวเคลียสผลึก และการเติบโตของนิวเคลียสผลึกเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ลักษณะของการเกิดและการเติบโตของนิวเคลียสผลึกขึ้นกับความเข้มข้นของสารละลายตั้งต้นและเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสปีชีส์ที่ละลายน้ำหรือไฮดรอกซิล ไอออนที่เวลาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเกิดนิวเคลียสผลึกและการเติบโต (สิทธิสุนทร, 2543 : 36)

การสังเคราะห์ผงอิเล็กโทรเซรามิกด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมเป็นเทคนิคการแยกไอออน หรือไม่เลกุลที่สนใจใช้ช่องญี่ปุ่นเพื่อของสารละลายจะถูกทำให้กระจายมาอยู่ในเฟสของของแข็งได้โดยเพิ่มสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการตกตะกอน เช่น ความเป็นกรดค้าง อนุภาคที่ตกตะกอนมักจะเกาเกากันเป็นกลุ่มก้อน ข้อดีของการสังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาคได้ การกระจายตัวของอนุภาคและความบริสุทธิ์สูง สำหรับข้อเสียของวิธีนี้คือต้องเสียเวลาในการแยกตะกอนออกจากสารละลาย ในการอบและเผาให้แห้งต้องป้องกันการเกิดการเกาะรวมตัวกันของอนุภาคการที่สารละลายจะถึงจุดอิ่มตัวหรือไม่นั้น นอกจากระยะขึ้นอยู่กับ

ความเข้มข้นและยั่งยืนกับความเป็นกรดค่าของสารละลายน้ำ pH ต่าง ๆ ณ ค่า pH สูงหรือต่ำมาก ๆ สารละลายนะจะเสถียรเนื่องจากความเข้มข้นไม่สูงพอที่จะถึงจุดอิ่มตัว ภาวะนี้จะสังเกตได้ง่ายเนื่องจากสารละลายนั้นคงไว้ได้ยาก เมื่อความเข้มข้นของสารละลายน้ำ pH ต่ำมากขึ้นและเมื่อถึงจุดวิกฤตจะเกิดนิวเคลียสผลึก เมื่อนิวเคลียสผลึกเติบโตขึ้นจนมีขนาดใหญ่พอก็จะตกตะกอนซึ่งสังเกตได้จากสารละลายน้ำที่น้ำสีขาวใสคล้ายหิน เช่น ไฮดรอกไซด์โซเดียม หรือโซเดียมฟอฟฟา ที่สามารถสังเกตได้โดยการตัดต่อในน้ำและตากให้แห้งแล้วจะพบว่ามีร่องรอยของสารละลายน้ำที่ตกลงมาบนผิวน้ำ



รูปที่ 2.9 แผนภาพความเสถียรของสารละลายน้ำ pH ต่าง ๆ โดยปกติสารละลายนะจะไม่เสถียรที่ความเข้มข้นของสารละลายน้ำ pH ต่ำมาก แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายน้ำ pH ต่ำมากขึ้นและเมื่อถึงจุดวิกฤตจะเกิดนิวเคลียสผลึก ที่ตกลงมาบนผิวน้ำและตากให้แห้งแล้วจะพบว่ามีร่องรอยของสารละลายน้ำที่ตกลงมาบนผิวน้ำ

2.4.4 วิธีซอลเจล

วิธีซอลเจลเป็นเทคนิคการเตรียมสารประกอบออกไซด์ที่ใช้ซอลแลจเจลเป็นตัวตั้งต้นในการเตรียมอิเล็กโทรเซรามิกให้มีลักษณะเป็นผง ไฟเบอร์ แผ่นฟลั่นบางและแก้วเซรามิก เป็นต้น สารอิเล็กโทรเซรามิกหลาบชนิดที่ถูกเตรียมโดยวิธีซอลเจล เช่น แบบเรย์ม ไทยทาน เลคแคนทนัน ตะกั่วเซอร์โคเนต ไทยทาน เซอร์โคเนต ไทยทาน ลิตเทียม ไทยทาน เลคแมกนีเซียม ในโอบอ แสงส่องไฟฟ้า

วิธีซอลเจลได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว พื้นฐานของการเตรียมโดยวิธีซอลเจลจะเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยาคุณเดนเซชัน (condensation reaction) ของโลหะอัลลอยด์ หลังจากนั้นทำให้แห้งและขัดผงอนุภาคให้ดีกันเป็นก้อนแข็ง โดยใช้ความร้อนแต่เป็นอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมละลายของโลหะจะได้สารที่เป็นตัวจะไปผลิตอุปกรณ์ทางเซรามิก

ซอล คือ สารแขวนลอยในสถานะของเหลวคล้ายสารละลาย ส่วนเจลเป็นสารละลายแขวนลอยชนิดหนึ่งซึ่งจับตัวแข็งเป็นรูน มีความหนืดลื่นสูงจนสารละลายมีความยืดหยุ่นอย่างของแข็งที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากโครงข่าย (net work) ของเฟสที่กระจาย (dispersed phase) หรืออัลลอยด์ (colloid) และสารตัวกลางทำกระจาย (dispersion medium) วนเวียนอยู่ทั่วโครงข่ายนั้น การเปลี่ยนจากซอลเป็นเจลจะทำให้ความหนืดลื่นสูงขึ้น

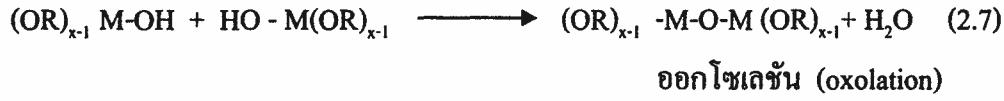
ในระบบของซอลเจล จะอธิบายได้เป็น 2 แบบที่แตกต่างกัน

- ระบบอนุภาคที่แขวนลอยจะเกี่ยวข้องกับการกระจายของโลหะอัลลอยด์หรืออนุภาคของไฮดรอกไซด์ในของเหลว จะเป็นซอลแล็วซอลกึ่งรวมตัวกันเป็นเจล
- ระบบพอลิเมอร์จะเกี่ยวข้องกับการเกิดพอลิเมอร์ของสารเคมีอินทรีย์ของโลหะอัลลอยด์ที่จะผลิตเจลได้พอลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นโครงข่าย

สำหรับระบบของพอลิเมอร์ในเลกุลน้ำตาลใหญ่ที่เป็นโครงข่ายจะได้จากการเกิดพอลิเมอร์ของสารอินทรีย์ เช่น โลหะอัลลอยด์ไฮด์ โลหะอัลลอยด์ไฮด์จะประกอบด้วยอะตอมของโลหะกับกลุ่มอัลกิล (alkyl group) ที่ต่อ กับออกซิเจน เช่น $-CH_3$ (เมธิล), $-C_2H_5$ (เอธิล) เป็นต้น ปฏิกิริยาข้างล่างนี้เป็นโลหะอัลลอยด์ไฮด์สายสั้น ๆ สำหรับ $M(OR)_x$ ที่ถูกไฮโดรไลซิสนำส่วนหรือทั้งหมด



ปฏิกิริยาต่อมาเป็นการต่อสายโซ่ (chain) จากปฏิกิริยาโพลิค่อนเดนเซชัน
 (polycondensation reaction)



ระบบนี้จะมีเจลเลชัน (gelation) เกิดขึ้นเมื่อมีสารที่มีโมเลกุลเป็นสายยาวเป็นผลิตภัณฑ์จาก การเกิดไฮโดรไลซิสและโพลิค่อนเดนเซชันของอัลกออลไซด์ ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นโครงข่าย ที่ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจุดที่เริ่มเป็นเจลเป็นเวลาซึ่งจะเกิดโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเซลล์สารลด สังเกตได้จากการทดลองพบว่าความหนืดเพิ่มขึ้นพอดีกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการไหล ของเจลที่เหมาะสมสามารถทำเป็นพิล์มนบาง ไฟเบอร์หรือการขึ้นรูปต่าง ๆ

ขั้นตอนในการทำให้แห้ง เจลที่เปียก เมื่อทำให้แห้งจะเกิดมีรูพรุนและเป็นของแข็ง อสัม ฐานที่อนุภาคเจล ตัวอย่างการทำให้แห้งโดยการระเหยเจลจะอยู่ในรูปของเซโรเจล (xerogel) ซึ่ง จะมีการยุบตัวของผิวน้ำเจลเท่านั้นแต่การทำให้เจลแห้งภายใต้สภาพวิศวกรรม เช่น ที่ความดันต่ำ แล้วอุณหภูมิวิศวกรรม เมื่อของเหลวและไออยู่ในสมดุลซึ่งกันและกัน สามารถกำจัดของเหลวและไอที่ อยู่ระหว่างผิวทั้งสอง ผลทำให้เกิดรูพรุนทั่วทั้งหมุดเราเรียกว่า แอโรเจล (aerogel)

ข้อดีในกระบวนการซักลเจลของการรวมตัวกันทุกโมเลกุลเป็นเนื้อเดียวกันของสารตั้งต้นที่ใช้เครื่องจะทำให้พื้นที่ผิวของเจลมากมีผลทำให้การตกผลึกและการเผาขึ้นรูปเชรามิก (sintering) ทำได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก

สิ่งที่สำคัญในกระบวนการของซักลเจลเป็นการพัฒนาสำหรับเครื่องแก้วน้ำ ๆ ที่มีรูพรุนซึ่ง ใช้เป็นเมมเบรน (membrane) และฟิลเตอร์ (filter) ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของซักลเจลเป็นที่สนใจ กันในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเพาะสานารถจะประยุกต์และพัฒนาได้เป็นอย่างดี

2.5 เครื่องมือวัดการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS)

การคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุในรูปที่เป็นอะตอมอิสระ โดยใช้คลื่นแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) และวิสิเบิล (visible) นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นที่เกี่ยวเนื่องในหลักการของการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมได้แก่ เทคนิคการวัดการเปล่งแสงด้วยไฟฟ้า (flame photometry) เทคนิคการวัดแสงที่เปล่งออกมาโดยอะตอม (atomic emission spectrophotometry) และ เทคนิคการวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์โดยอะตอม (atomic fluorescence spectrophotometry) เทคนิคการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมเป็นเทคนิคที่สะดวกและรวดเร็วกว่า มีความถูกต้องและแม่นยำสูงด้วย วิธีการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมเป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากทั้งแต่ปี ก.ศ. 1960 โดยใช้ในการวิเคราะห์โลหะหนัก ในปัจจุบันนี้สามารถใช้หัวปริมาณชาติต่าง ๆ มากกว่า 70 ชาติ

เทคนิคนี้อาศัยหลักการวัดความเข้มแสงที่ลดลง เมื่อจากถูกคุณภาพลีนโดยอะตอมของโลหะที่สถานะพื้น (ground state) จะมีพลังงานต่ำสุดแต่มีอะตอมเหล่านั้นได้รับพลังงานที่เหมาะสมก็จะทำให้เวลาเดนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมถูกกระตุ้นให้ขึ้นไปสู่สถานะถูกกระตุ้น (excited state) แต่เมื่อจากสถานะนี้ไม่เสถียรอิเล็กตรอนก็จะกลับสู่สถานะพื้น พรมทั้งกายพลังงานที่รับเข้าไปออกมาในรูปคลื่นแสง ซึ่งธาตุแต่ละชนิดจะคุณภาพลีนแสงที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน โลหะที่ใช้ในการศึกษามักอยู่ในรูปของสารละลายหรือธาตุผสม (combined element) ดังนั้นจึงต้องใช้ความร้อนที่พอเหมาะสมเปลี่ยนให้กลาญเป็นโลหะอะตอมเรียกว่าเกิดอะตอมไม้เชื้อน (atomization) อาจจำต้องใช้ความร้อนจากเปลวไฟในการกลาญเป็นอะตอม (flame atomization) หรือไม่ใช้เปลวไฟในการกลาญเป็นอะตอม (non – flame atomization) เช่น ใช้ความร้อนจากอาร์กไฟฟ้าหากใช้ความร้อนจากเปลวไฟขันตอนที่กิดขึ้นในเปลวไฟนี้ดังนี้

1. การระเหยกลาญเป็นไออกซิเจนหรือการหลอมละลาย (vaporization or fusion) คือการเปลี่ยนสารตัวอย่างจากสถานะของแข็งไปเป็นแก๊ส
2. การแตกตัว (dissociation) คือใช้เปลวไฟเป็นตัวทำหน้าที่ให้โมเลกุลแก๊สของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์แตกตัวเป็นอะตอม
3. การคุณภาพลีน (absorption) คือการที่อะตอมที่เป็นกลาญที่สถานะพื้นคุณภาพลีนพลังงานของเส้นพลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดแสงทำให้ถูกกระตุ้นไปอยู่ที่สถานะถูกกระตุ้น

เทคนิคการดูดกลืนแสงโดยอัตราตอนนี้ นับว่าเป็นเทคนิคที่มีการใช้งานกันมากที่สุดในสามเทคนิคดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของเทคนิคการดูดกลืนแสงโดยอัตราตอนบังคงอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามหลักของเบียร์ (Beer) ดังสมการ

$$A = abC \quad (2.9)$$

เมื่อ

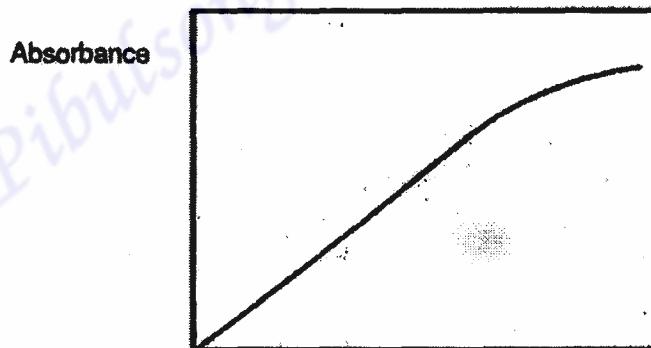
A คือค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)

a คือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (absorption coefficient) ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสารที่ดูดกลืนแสง

b คือระยะทางที่แสงผ่านที่เกิดการดูดกลืนแสง

C คือความเข้มข้นของสารที่ดูดกลืนแสง

ดังนั้น เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสง (A) มาเขียนกราฟกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานจะปรากฏกราฟเส้นตรงที่เรียกว่ากราฟมาตรฐาน ดังรูปที่ 2.10 แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกราฟมาตรฐานในลักษณะเช่นนี้ จะได้กราฟเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นหนึ่ง ๆ เท่านั้น และบางครั้งอาจจะได้ออกมาเป็นเส้นโค้งก็มี



ความเข้มข้น

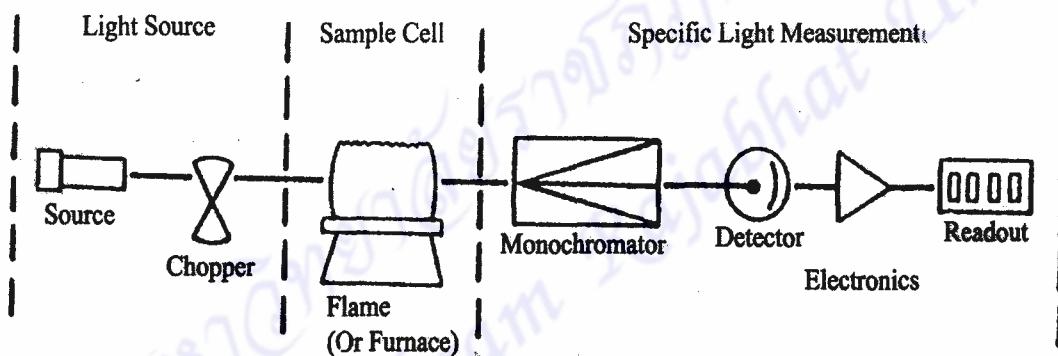
รูปที่ 2.10 กราฟมาตรฐานของการดูดกลืนแสง (บันทึก, 2539 :154)

2.5.1 อุปกรณ์หลักในเครื่องมือวัดการคุณภาพแสงโดยอะตอม

องค์ประกอบที่สำคัญค่อนข้างๆ ของเครื่องมือวัดการคุณภาพแสงโดยอะตอม แสดงดังรูปที่

2.11 นี้ 5 ส่วนด้วยกันคือ

1. แหล่งกำเนิดแสง (Light source)
2. ระบบเผาสาร (Burner system)
3. ตัวแยกแสง (Monochromator)
4. ตีเก็ตเตอร์ (Detector)
5. เครื่องประมวลผลและอ่านผล (Data system and read-out units)



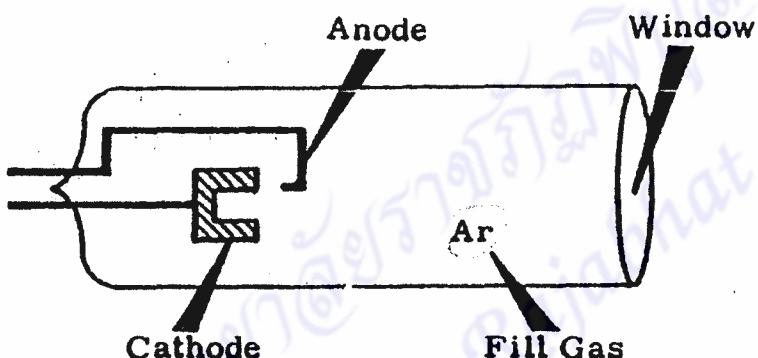
รูปที่ 2.11 แผนภาพองค์ประกอบของเครื่องวัดการคุณภาพแสงโดยอะตอม (บัณฑิต, 2539 :175)

1. แหล่งกำเนิดแสง

เนื่องจากอะตอมจะคุณภาพแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ในการวัดการคุณภาพแสงด้วยความไวสูงสุด จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแบบเด็นที่จะถ่ายแสงที่มีความยาวคลื่นที่จะถูกคุณภาพ โดยอะตอม นอกจากนั้นแหล่งกำเนิดแสงชนิดนี้ซึ่งส่งผลให้เทคนิควัดการคุณภาพแสงโดยอะตอม เป็นเทคนิควิเคราะห์ที่มีการรับกรุน้อยมาก แหล่งกำเนิดดังกล่าววนนี้ปกตินิยมใช้หลอดซอโลว์ แคนโทิด (hollow cathode lamp) ซึ่งทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับธาตุที่ต้องการศึกษา เช่น ต้องการศึกษาตะกั่ว ก็ต้องใช้หลอดซอโลว์แคนโทิดที่ทำด้วยตะกั่วภายในบรรจุด้วยแก๊สเชื้อชีวิตรูปแบบ (neon) หรืออาร์กอน (argon) ที่ความดันค่อนข้างต่ำ ประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตรปรอท เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1,000 โวลท์ (volt) เข้าไปจะเกิดการแตกตัวขึ้นซึ่งจะทำให้อาร์กอนแตกตัวเป็น Ar^+ ดังสมการ



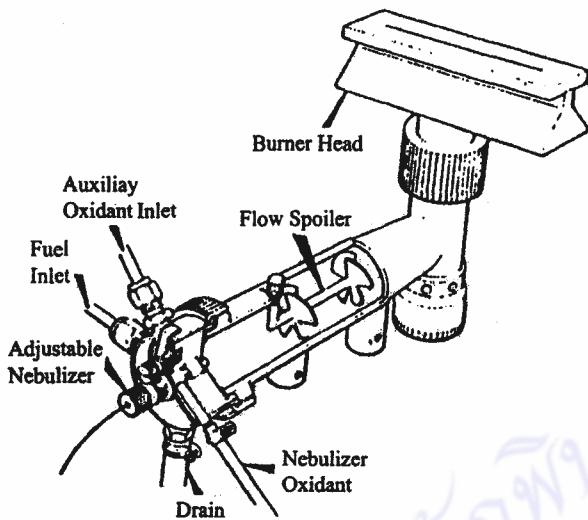
ชั่ง Ar^+ ที่เกิดจะวิ่งไปชนอะตอมของตะกั่วที่ใช้ทำแคโทด (cathode) ก็จะถ่ายทอดพลังงานให้แก่อะตอมของตะกั่วซึ่งอยู่ที่สถานะพื้นและจะถูกกระตุ้นไปอยู่ที่สถานะถูกกระตุ้น เมื่อกลับสู่สถานะพื้นก็จะปล่อยพลังงานออกมายในรูปรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นແນບเด็นของตะกั่ว ลักษณะของหลอดชอลโลว์แคร์โตก็ทั่วไปจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 ลักษณะของหลอดชอลโลว์แคร์โตก (บัณฑิต, 2539 :174)

2. ระบบเผาสาร

เป็นระบบที่ทำการเปลี่ยนสภาพของสารละลายให้กลายเป็นอะตอม อาจเรียกอีกชื่อหนึ่ง เป็นการสร้างอะตอม (atomizer) อุปกรณ์ส่วนนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ย่อย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวสร้างละออง (nebulizer) และส่วนที่เป็นตัวเผา (burner) แสดงดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 ระบบเผาสาร (บัญชิต, 2539 :168)

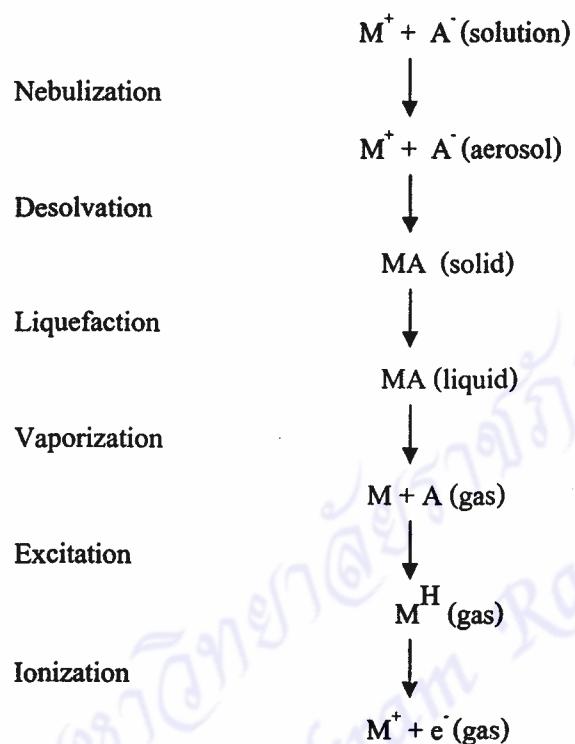
ตัวสร้างละอองเป็นส่วนที่สารละลายถูกทำให้เป็นละอองฟอยเล็ก ๆ ผสมกับเชื้อเพลิงและตัวออกซิไดส์ (oxidising agent) ส่วนตัวเผาจะทำให้ธาตุกล้ายเป็นอะตอนอิสระทำให้สารตัวบ่งจะดูดกลืนพลังงานความร้อนจากเปลวไฟกล้ายเป็นไออะตอนได้ง่ายขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.14 เปลาไฟที่เกิดจากการเผาใหม่ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้อุณหภูมิต่าง ๆ กันและทำหน้าที่คัดลอกการดูดกลืนแสง (absorption cell) เปลาไฟที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอนได้แก่

1. อากาศ/พรเพน ให้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ ประมาณ $1,900^{\circ}\text{C}$ ซึ่งร้อนพอที่จะทำให้เกิดอะตอนอิสระของธาตุได้หลายธาตุ เช่น ทองแดง ตะกั่ว โพแทสเซียม โซเดียม และสังกะสี ถ้าธาตุที่ต้องการวิเคราะห์อยู่ในของผสมที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างชั้นช้อน ธาตุนี้อาจเกิดสารประกอบทนไฟ เช่น ออกไซด์ที่ไม่หลอมละลาย (refractory oxide) อยู่ภายในเปลวไฟ เมื่อเปลวไฟนั้nr้อนไม่พอที่จะทำให้สารประกอบแตกตัวบ่งสมบูรณ์

2. อากาศ/แอลเซก เป็นเปลวไฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเปลวไฟชนิดนี้มีอุณหภูมิประมาณ $2,300^{\circ}\text{C}$ และนิยมใช้ในการวิเคราะห์ธาตุแทرنชิชัน

3. ไนตรัสออกไซด์/แอลเซก เป็นเปลวไฟที่ให้ความร้อนมากที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ $3,000^{\circ}\text{C}$ นิยมใช้เปลวไฟชนิดนี้สำหรับการเกิดอะตอนอิสระของธาตุที่เปลี่ยนเป็นอะตอนได้ยาก เช่น โนรอน อะลูมิเนียม ซิลิกอน และธาตุหายาก (rare-earth element)

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีการคุคกลีนแสงโดยอะตอมนี้ได้ผลคือเพียงไร นั้นจะขึ้นอยู่กับการเกิดอะตอมอิสระซึ่งคำงอยู่ที่สถานะพื้น โดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟดังกล่าว มาแล้ว



รูปที่ 2.14 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเปลวไฟ

3. ตัวแยกแสง

ตัวแยกแสงทำหน้าที่ในการแยกคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงให้ได้ความยาวคลื่นที่ต้องการออกเป็นแถบหรือเป็นช่วงคลื่นแสงออกเป็นแถบหรือเป็นช่วงที่แคบ ๆ เช่น พิลเตอร์ หรือตัวแยกแสง ตัวอย่าง ตัวแยกแสงที่ใช้ในเครื่องมือการคุคกลีนแสงโดยอะตอม ได้แก่ ปริซึม (prism)

4. ดีเทกเตอร์

ดีเทกเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนดวงตาที่จะแปลงความเข้มของแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้า ปกติแล้วจะเป็นหลอดโฟโต้มัลติพลายเออร์ (photomultiplier tube) ซึ่งเป็นเครื่องวัดความเข้มแสงที่ผ่าน

ออกแบบสารตัวอย่างและอ้างอิง (reference) เปรียบเทียบความแตกต่างของการคุณลักษณะที่เกิดขึ้น โดยวัดในเทอมของสัญญาณเด็กเตอร์ต่อวัตต์ของกำลังขยาย ถ้าเป็นหลอดไฟโคมลิตพลาญเออร์ แบบให้พลังงานรังสีเป็นหลอดสัญญาณเหมือนกับหลอดไฟโคมแต่ให้กำลังขยายของสัญญาณได้สูงกว่ามากคืออาจใช้ไฟฟ้าเตอร์ของการขยายสูงถึง 10^8 เท่า ทั้งนี้เพื่อมีการเพิ่มขึ้นของจำนวน อิเล็กตรอนเรียกว่าเชกันดาร์อิเล็กตรอน (secondary electron) ที่หลุดออกจากพื้นที่ผิวของไคโนด (dynodes) ซึ่งทำด้วยโลหะอัลคาไล

5. เครื่องประมวลผลและอ่านผล

ซึ่งถูกนำมาตรฐานให้สามารถอ่านค่าการคุณลักษณะแสงหรือค่าการขยายได้โดยตรง

2.5.2 การทำปริมาณวิเคราะห์ด้วยเทคนิควัดการคุณลักษณะโดยอะตอม

ในการที่สารตัวอย่างไม่มีสิ่งรบกวนและสารตัวอย่างเจือจางอาจทำการวิเคราะห์ได้ง่าย โดยเทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนแล้ว วิธีที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป โดยปรับสัญญาณที่ได้จากสารไร้สิ่งตัวอย่าง (blank) ให้เป็นศูนย์ แล้วจึงวัดค่าการคุณลักษณะของสารละลายน้ำมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (4-5 ความเข้มข้น) เมื่อใช้เทคนิคการกลาญเป็นอะตอม โดยไม่ใช้เปลวไฟ (flameless atomization technique) อาจใช้วัดพื้นที่พิก (peak area) หรือความสูงของพิก (peak height) แล้วนำผลมาเขียนกราฟเพื่อหาความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลายน้ำมาตรฐาน (calibration curve) ซึ่งอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ในการเขียนกราฟอาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคำนวณทำงานได้ ถ้าให้เป็นเส้นตรงใช้ลีทซ์ แสควร์ฟิต (least squared fit) แต่ถ้าเป็นเส้นโค้ง อาจใช้เครื่องลากเส้นโค้งให้ได้ พร้อมคำนวณความเข้มข้นให้ด้วยจากค่าที่วัดได้ของสารตัวอย่างซึ่งสะดวกมาก

เครื่องมือวัดการคุณลักษณะโดยอะตอมมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งบางส่วนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและป้องกันภัยการใช้งานให้บานานขึ้น การใช้เครื่องมือวัดการคุณลักษณะโดยอะตอมจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเก็สต์ต่าง ๆ ที่ใช้สารไวไฟ กรณ์ และสารพิษต่าง ๆ รวมถึงความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการเผาไหม้ การใช้ระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทั่ว ๆ ไปไม่เพียงพอที่จะป้องกันความปลอดภัยได้จึงควรทราบข้อรับ��ในกระบวนการใช้งาน ได้แก่

- ระบบคุดไอพิย (Exhaust system) ในขณะใช้เครื่องวัดการคุณลักษณะโดยอะตอม โดยเฉพาะการคุณลักษณะโดยอะตอมด้วยเปลวไฟจะเกิดความร้อนสูงและเกิดไอของสารพิษซึ่งเป็นกรดจำเป็นต้องกำจัดออกไปเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นระบบคุดไอพิย

จะต้องมีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานมีแรงดึงดูดอากาศไม่นำกหรือน้ำยเกินไป เพราะถ้าหากเกินไปอาจจะทำให้เปลวไฟไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าน้อยเกินไปจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และการเปิดก่อนที่จะจุดเปลวไฟหรือเปิดเตาเผาแบบกราไฟต์ (graphite furnace)

2. ถังแก๊ส (Compressed gas cylinder) ความมีที่เก็บถังแก๊สแยกออกจากตัวห้องปฏิบัติการอยู่ในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอุณหภูมิไม่สูงตัวถังแก๊สอยู่ในแนวตั้งและมีไชรัคให้ติดกับผนังห้องท่อแก๊สจะมีสีแตกต่างกันตามชนิดของแก๊สและไม่สับสนในการใช้แก๊สชนิดต่าง ๆ มีวิธีปิดเปิดที่อยู่ใกล้มือในกรณีที่เกิดปัญหา มีน้ำยาตรวจเช็ครั่วของแก๊ส เช่น น้ำสบู่และกอชตรวจสอนการรั่วอยู่เสมอและทุกครั้งที่เปลี่ยนถังแก๊ส

3. ท่อน้ำแก๊ส (Gas hose and connections) ควรใช้ท่อแก๊สที่มาจากการศูนย์ผลิตเครื่องมือและใช้ในระยะสั้นที่สุ่มระวางการติดตั้งอย่าให้เกิดความเสียหายต่อท่อแก๊สและมีรอยต่อแน่นอยู่สุดขนาดของท่อจะต้องพอดีกับมาตรฐานสวัสดและตัวเครื่องและการติดตั้งจะต้องแน่นพอ ในการฉีดที่มีการติดตั้งแก๊สหลายชนิดจะต้องมีการติดสัญลักษณ์ที่ห่อแก๊สเพื่อป้องกันการสับสน

4. แก๊สแอเซทิลีน (Acetylene gas) แก๊สชนิดนี้จะต้องระมัดระวังในการใช้เพราะอาจเกิดระเบิดได้ โดยปฏิบัติตั้งนี้ ห้ามใช้ท่อแก๊ส (tubing) เป็นโลหะทองแดง อย่าใช้ถังแก๊สที่มีความดันเกิน 105 กิโลปascัล (kPa) อย่าให้แก๊สแอเซทิลีนสัมผัสกับโลหะทองแดง เงิน ปืน คลอรินแก๊ส และกรีซ (grease)

5. ในตรสออกไซด์ (Nitrous oxide) แก๊สชนิดนี้เป็นตัวช่วยให้เกิดการเผาไหม้ชนิดเดียวกับออกซิเจน และแข็งตัวได้ง่ายในอุณหภูมิปกติเวลาใช้จะต้องมีตัวให้ความร้อนเพื่อป้องกันการแข็งตัวและไม่ควรให้ถูกกับไขมัน เพราะจะทำให้เกิดการสันดาป

6. ตัวเผาสาร (Burner) ระวังอย่าใช้ตัวเผาสารแบบอากาศ-แอเซทิลีนกับเปลวไฟแอเซทิลีนในครัวสอกไซด์ เพราะตัวเผาสารชนิดนี้ไม่ทนความร้อนและอาจเกิดความเสียหายได้ แต่สามารถใช้ตัวเผาสารแอเซทิลีนในครัวสอกไซด์กับเปลวไฟอากาศ-แอเซทิลีนได้ อย่าใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์หรืออากาศที่มีออกซิเจนสูงมาเป็นตัวออกซิไดส์และไม่ควรให้รูระบายนของเหลวถูกอุดตันโดยสารละลายที่ออกมานจากเครื่องเพราะอาจเกิดระเบิดได้ การปิดเปลวไฟก่อนที่จะทำการตัวเผาสารและใช้ถุงมือจับตัวเผาสารเพราะอาจยังร้อนจัด

7. รังสีอัลตราไวโอลेट (Ultraviolet radiation) หลอดชอลโลว์แคนท์ก็และหลอดปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีขี้ (electrodeless discharge) รวมทั้งเตาเผาแบบกราไฟต์สามารถให้แสงอัลตราไวโอลेटได้จริงไม่กวนมองคง ๆ และความมีแผ่นกระจากป้องกันแสงหรือใช้วัสดุป้องกันแสงอัลตราไวโอลेट

8. อันตรายจากความร้อน (Heat hazard) เป็นไฟ เตาเผาแบบกราไฟต์และตัวเผาสารจะมีอุณหภูมิสูง ควรจะมีการปกป้องกันความร้อนและไม่ควรจับด้วยมือทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดในขณะร้อน

9. ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety check) ดังนี้ ปิดวาล์วแก๊สทุกครั้งที่เดิมใช้งาน ตรวจสอบบริเวณทำงานอย่าให้มีสารเคมีหรือสารไวไฟ เม็ดดูที่ไอพิมและตรวจสอบการทำงาน ใส่ตัวเผาสารที่ถูกต้องและล็อกตัวสร้างละลายให้แน่น ตรวจสอบถังแก๊สว่าใช้ถูกต้องและไม่มีรอยร้าว เม็ดแก๊สให้มีความดันตามที่ปรากฏในคู่มือของเครื่อง ปิดกระชากป้องกันแสง (flame shield) และจุดแก๊สตามคู่มือ

2.6 เครื่องออกซ์เรย์ดิฟเฟรกтомิเตอร์ (X-ray Diffractometer, XRD)

ในการห้ามโครงสร้างผลึกสามารถตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ที่มีพลังงานสูงและมีความยาวคลื่นสั้น โดยมีความยาวคลื่นในลำดับเดียวกับระยะทางระหว่างอะตอมของวัสดุของแข็ง เมื่อคำนวณของรังสีเอกซ์ กระทบวัสดุของแข็งจะเกิดการกระเจิง (scatter) ในทุกทิศทาง เมื่อจากอะตอมหรือไอออนที่อยู่ในทางเดินของรังสีเอกซ์ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ห้ามโครงสร้างของสารที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือ เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน (X-ray Diffraction)

รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 0.1-100 Å เมื่อยิงรังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกับระยะห่างระหว่างระนาบ (interplanar spacing) ของผลึกเข้าสู่ผลึกสารจะทำให้รังสีเอกซ์เกิดการเลี้ยวเบน (diffraction) ได้ ดังนั้นถ้าเราทราบความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ก็สามารถคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกสารนั้น ได้โดยอาศัยการอธิบายด้วยกฎของแบรกค์ (Bragg's law) จะได้ว่า

$$2ds\sin\theta = \lambda \quad (2.10)$$

เมื่อ

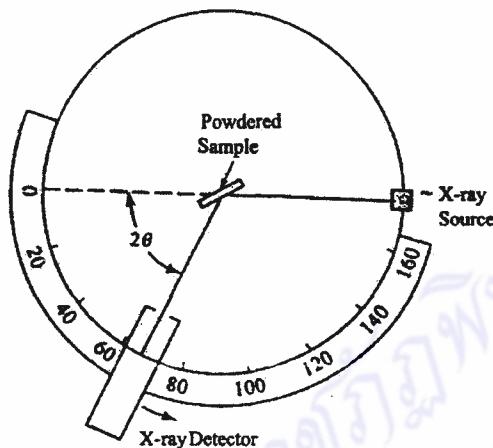
d = ระยะห่างระหว่างระนาบ (หรือเรียกว่า d -spacing)

θ = มุมของแบรกค์ (Bragg's angle)

λ = ความยาวคลื่นรังสีเอกซ์

n = 0, 1, 2, 3,

ในการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโทมิเตอร์โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ส่วนประกอบของเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโทมิเตอร์ (พิทักษ์, 2535 :37)

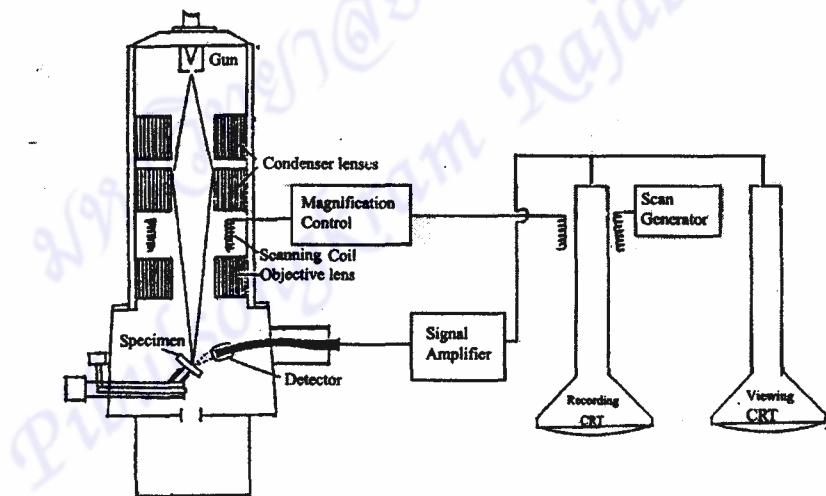
2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (Scanning Electron Microscope, SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าดมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาลักษณะภายในของสารตัวอย่างอีกด้วย ให้กำลังขยายอย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดานั่นคือ กำลังขยายสูงสุด ใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์แบบ TEM แต่ความละเอียดของภาพ (resolving power) มีความเป็นไปได้ถึง 3 นาโนเมตร นอกจากนั้นแล้วกล้องชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีโอกาสตัดแปลงต่อเติมอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้มีการแสดงผลในรูปต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ธาตุ การคำนวณมวลและปริมาตร กล้องชนิดนี้เหมาะสมกับการวิจัยพื้นฐานมากที่สุดอันสืบเนื่องมาจากวิธีที่มีความรวดเร็วมากกว่าวิธีที่ใช้ในการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทั่วไป

ส่วนประกอบสำคัญของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าดประกอบด้วย

1. ระบบสูญญากาศ (Vacuum) และ คอลัมน์ (Column)
2. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิก (Electronic console) และจอโทรทัศน์ (CRT)

ระบบสัญญาการประกอบด้วยเครื่องจักรกลและระบบการแพร่ผ่านหรือบางแบบนี้ปัจจุบันมีหน้าที่ทำให้มีสัญญาการภายในคลัมป์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic ประกอบด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างซึ่งจะถูกรวมให้เป็นจุดขนาดเล็กประมาณ 3-6 นาโนเมตร จะถูกบังคับให้เคลื่อนตัวตามตัวอย่างด้วยเลนส์วัตตุ (objective lens) พร้อมทั้งถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งทิศทางโดยนับพื้นผิวของตัวอย่างด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดการส่องgraphic (scanning generator) ซึ่งอยู่ระหว่างเลนส์ควบแน่น (condenser lens) ลำแสงของอิเล็กตรอนนี้เรียกว่า ไฟฟาร์อิเล็กตรอน (primary electron) จะถูกไฟกัดตามตัวอย่างตามต้องการด้วยเลนส์วัตตุ เมื่อไฟฟาร์อิเล็กตรอนกระแทบตัวอย่างซึ่งอยู่ภายในห้องใส่ตัวอย่าง (specimen chamber) จะทำให้เกิดกลุ่มของอิเล็กตรอนชุดที่ 2 เรียกว่า เชกันคาร์อิเล็กตรอน (secondary electron) ออกมากจากพื้นตัวอย่างและจะถูกรวบรวมด้วยตัวรวบรวมอิเล็กตรอน (electron collector) จะส่งผ่านท่อน้ำแสงเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณ (signal amplifier) ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วแปลงสัญญาณให้เกิดภาพบนจอโทรทัศน์และบันทึกภาพในเวลาเดียวกัน



รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบของเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องgraphic

2.8 การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis)

การวิเคราะห์ทางความร้อนเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิเคราะห์สาร เพราะสามารถแสดงสมบัติทางความร้อนของสารได้หลายอย่าง ซึ่งการวิเคราะห์ทางความร้อนนี้จะเป็นการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสมบัติเฉพาะของสาร โดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของสาร

คิฟเฟอร์เรนเซียลเทอร์นอล อะนาไลซิส (Differential Thermal Analysis, DTA) การวิเคราะห์ทางความร้อนเป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาอุณหภูมิก้าวย่างแก้ว (glass transition temperature, T_g) และอุณหภูมิการหลอมด้วย (melting temperature, T_m) ซึ่งอุณหภูมิช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง พลังงานของตัวมันเองอย่างชัดเจน โดยเครื่อง DTA จะใช้วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ให้แก่สารแล้ว แสดงออกมาในรูปกราฟ DTA เรียกว่า เทอร์โมแกรม (thermogram) โดยทั่วไปแล้วเครื่อง DTA จะใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งสารมาตรฐานนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมน้อยมากหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเลยในช่วงที่ใช้ในการทดลอง สารมาตรฐานที่ใช้ เช่น อะลูมินา (alumina) จะมีช่วงอุณหภูมิใช้งานสูงถึง 1500°C จะวัดพลังงานแตกต่างของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งจะบอกถึงพลังงานที่สารตัวอย่างคุณเข้าไปหรือคายออกมานะ

เทอร์โมแกรวิเมตรี อะนาไลซิส (Thermogravimetry Analysis, TGA) เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาความเสถียรทางความร้อนซึ่งจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับอุณหภูมิสำหรับเทคนิค TGA นี้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ไอโซเทอร์นอล เทอร์โนแกรวิเมตรี (isothermal gravimetry) เป็นการศึกษาโดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับเวลา โดยที่อุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลอง ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะมีผลต่อการสลายตัวถ้าในการทดลองใช้อุณหภูมิสูงการสลายตัวจะเกิดได้เร็วกว่าการทดลองที่ใช้อุณหภูมิต่ำ

อนอน ไอโซเทอร์นอล เทอร์โนแกรวิเมตรี (non-isothermal gravimetry) เป็นการศึกษาโดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเทียบกับเวลาและอุณหภูมิในขณะที่มีการให้ความร้อนคงที่ใน การวิเคราะห์จะทำในบรรยายกาศของแก๊สเลือย เช่น ในโตรเจน เพื่อกำจัดไขของสารและแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากการสลายตัวของจากระยะ ผลที่ได้แสดงในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับอุณหภูมิที่ได้เรียกว่า เทอร์โนแกรม

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีรายงานจำนวนมากที่รายงานการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอเบตโดยวิธีการทำปฏิกิริยานในสภาวะของแข็ง พนว่าเป็นการยากที่จะสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอเบตให้ได้องค์ประกอบสม่ำเสมอทุกครั้ง ด้วยวิธีการทำปฏิกิริยานในสภาวะของแข็ง โดยใช้สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์สูงของ PbO , Fe_2O_3 , และ Nb_2O_5 ซึ่งตามสัดส่วนที่ต้องการผสมให้เข้ากันและเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้เฟส $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ และระหว่างการเผาจะเกิดเฟสของ $Pb_3Nb_4O_{13}$ และ $Pb_2Nb_2O_7$ เป็นเฟสที่ไม่ต้องการจะพบของ $PbO-Nb_2O_5$ และเฟสของ $Pb_2Fe_2O_5$ จากระบบของ $PbO-Fe_2O_3$ จากรายงานวิจัยจะมีการสังเคราะห์ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ โดยวิธีการทำปฏิกิริยานในสภาวะของแข็งอยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ วิธีแรกจะใช้ในอัตราส่วนที่ต้อง Fe_2O_3 และ Nb_2O_5 บดผสมให้เข้ากันและเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้ $FeNbO_4$ และนำ $FeNbO_4$ ไปบดผสมกับ PbO และนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ และมีเฟสที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นคือ $Pb_3Nb_2O_8$ วิธีที่ 2 จะใช้ $4PbO$, Fe_2O_3 และ Nb_2O_5 บดผสมและเผาที่อุณหภูมิสูงจะได้ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ และ $Pb_3Nb_4O_{13}$ และ $Pb_2Nb_2O_7$ เป็นเฟสที่ไม่ต้องการ

Pourroy et al., 1990 ได้มีการสังเคราะห์ $FeNbO_4$ จากสารละลายไฮดรอกไซด์ของไอร์อ่อนและในโอเบตและทำการตกตะกอนด้วย NH_4OH ได้ตกตะกอนสีน้ำตาลดำพบว่าเมื่อใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเพρกชันศึกษารูปผลึกของ $FeNbO_4$ จะได้ผลึกของ $FeNbO_4$ ไม่เป็นระเบียบที่สมบูรณ์ เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิ $900^{\circ}C$ และเมื่อเผาที่อุณหภูมิ $1000^{\circ}C$ จะได้เฟส wolframite phase) ของ $FeNbO_4$ ที่เป็นระเบียบและวัดสมบัติทางแม่เหล็กของสาร

Chiu และ Desu, 1991 ได้ศึกษาการสังเคราะห์ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ จากวิธีการทำปฏิกิริยานในสภาวะของแข็งและใช้ KCl เป็นตัวประสานในการเกิดปฏิกิริยาให้ดีขึ้นเรียกวิธีการสังเคราะห์นี้ว่า การสังเคราะห์แบบmolten salt synthesis, MSS) จะใช้สารตั้งต้นเป็น PbO , Fe_2O_3 , และ Nb_2O_5 โดยใช้อัตราส่วนของ PbO ที่มากเกินพอดูนในเกลือของ KCl และบดผสมให้เข้ากันในอุตสาหกรรมเป็นเวลา 12 ชั่วโมงและเผาที่อุณหภูมิสูง พบว่าจะได้ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ที่อุณหภูมิการเผา $800^{\circ}C$ เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง และเมื่อเผาที่ $900^{\circ}C$ ในระบบปิดจะเกิดการระเหยของ PbO และได้ขนาดอนุภาคเป็นทรงกลม ไม่เกาะกันเป็นก้อน ผงเดคไอร์อ่อนในโอเบตที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทำปฏิกิริยาในของแข็งในเกลือที่หลอมเหลวและเผาเข็นรูปเซรามิกที่ $1,100^{\circ}C$ เป็นเวลา 13 ชั่วโมง ได้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเป็น 12,270 ที่ความถี่ 1 MHz

Guzman และ Aegeuter, 1993

ได้สังเคราะห์ $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$

$Pb(Zn_{1/2}Nb_{2/3})O_3$ และ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ โดยวิธีการตกตะกอนร่วมจากการทำปฏิกิริยาไฮโดรไอลชิตของในไอเบตในสารละลายน้ำจะได้เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิการเผาต่ำจากการศึกษาพบว่าการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไอลชิตนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรดและค่างที่ใช้อัตราการผสมและธรรมชาติของสารตั้งต้น เพื่อรอพสไกค์เฟสจะเริ่มปรากฏที่ 350°C และได้เฟสที่บริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 800°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อนำมาอัดเม็ดเซรามิกและเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 1000°C นำไปวัดค่าคงที่ได้อิเล็กทริกพบว่าได้ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกเท่ากับ 2,600

Cho และ Yoshimura, 1996 ได้การสังเคราะห์พิล์มเลดไททาเนต ($PbTiO_3$) จากสารละลายน้ำกัวไฮดรอกไซด์ ($Pb(OH)_2$) ที่มีความเข้มข้น 0.07 โนลต่อลิตร ในสารละลายน้ำแทสเซี่ยนไฮดรอกไซด์ (KOH) ที่มีความเข้มข้น 2.0 โนลต่อลิตร โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลภายใต้ความดัน 2.0 เมกะปascala (MPa) ที่อุณหภูมิ 200°C พบว่าโครงสร้างทางจุลภาคของ $PbTiO_3$ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ใช้ ได้ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.6-6 ไมครอน

Tena et al., 1996 ได้ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของ $FeNbO_4$ ที่สังเคราะห์โดยวิธีการทำปฏิกิริยาน้ำในสภาวะของแข็งหรือวิธีทางกายภาพและศึกษาสมบัติของเซรามิกไฮร์อ่อนในไอเบตด้วยเครื่องอัมปีเดนซ์สเปกโගรัสโคปี (impedance spectroscopy) พบว่าเซรามิกไฮร์อ่อนในไอเบตที่ได้มีค่าการนำไฟฟ้าสูงมากซึ่งหมายจะนำไฟฟ้าไปเป็นตัวนำไฟฟ้า

Jenhi et al., 1998 ได้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์พิล์มเลดไฮร์อ่อนในไอเบตโดยวิธีซอลเจล จากสารตั้งต้น $Pb(NO_3)_2$, $NbCl_5$ และ $FeCl_3$ และจะใช้ $Pb(NO_3)_2$ มากเกินพอในการเกิดปฏิกิริยาจะได้เฟสของ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 700°C ในระหว่างการเผาเฟสที่ไม่ต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเผาสูงกว่า 500°C และเกิดผลึกของออกไซด์ที่ไม่ทราบอีก 2 เฟสเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 850°C

Sekar, 1998 ได้สังเคราะห์ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ โดยการเผาโดยไอนีทรัตในไอเบนออกซ์เจต ($Nb_2(C_2O_4)_3$) และไอนีไนเตรต (NH_4NO_3) และเททรافอร์มอลไทรซาซีน (tetraformal trisazine, TFTA) ในบรรยายกาศออกซิเจน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเผาสารละลายน้ำที่คำนวณอัตราส่วนของ $Pb(NO_3)_2$, $Nb_2(C_2O_4)_3$ ใน NH_4NO_3 และ TFTA เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิ 350°C การเกิดเพอรอพสไกค์เฟสที่อุณหภูมิในช่วง $500-1000^{\circ}\text{C}$ โดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน ขั้นที่สองเผาแลดออกไซด์และไฮร์อ่อนในไอเบตจนได้เฟสของเลดไฮร์อ่อนในไอเบตที่ต้องการ

Liu และ Barber, 1999 ได้ศึกษาการสังเคราะห์พิล์มเลดไฮร์อ่อนในไอเบตโดยวิธีซอลเจลใช้สารตั้งต้นเป็นเลด (II) แอซีเทตไตรไฮเดรต (lead (II) acetate trihydrate, $Pb(OO(CH_3)_2 \cdot 3H_2O)$, ไฮร์อ่อน (II) แอซีเทต (iron (II) acetate, $Fe(OOCCH_3)_2$) และไอนีไน

(V) ไอกրอกไซด์ (niobium(V) ethoxide, $\text{Nb}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_5$) และศึกษาความเป็นผลึกของพิล์มนน แผ่น SrTiO_3 พบว่าเมื่อใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชันและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบหกผ่าน พบว่าได้ขนาดอนุภาคเป็นนาโนและหาห่าองที่ได้อิเล็กทริกและค่าสูญเสียได้อิเล็กทริกพบว่าขึ้นอยู่ กับความถี่จาก 0.1-1000 kHz

Gnanasekar et al., 1999 ได้สังเคราะห์ไอร์อนในไอوبเดตแบบโนโนคลินิกเฟส (monoclinic phase) และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติแม่เหล็ก และตัวจับสัญญาณ (sensor) แก๊ส ของไอร์อน ในไอوبเดต ศึกษาความเป็นผลึกและรูปร่างลักษณะของผงไอร์อนในไอوبเดตด้วยเทคนิคใช้เทคนิค เอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชันและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 พบว่าค่าการนำไฟฟ้าและ แม่เหล็กของไอร์อนในไอوبเดตเกิดจากการที่พันธะระหว่าง $\text{Fe}-\text{O}-\text{Fe}$ มี Fe^{2+} และ Fe^{3+} ผสมรวมกัน อยู่และจากการศึกษาการนำไอร์อนในไอوبเดตเป็นตัวจับสัญญาณโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิพบว่าจะ ตอบสนองและตรวจวัดแก๊ส H_2 และ H_2S ได้ที่ 573-623 K และตรวจวัดแก๊สหุงต้มที่ 673 K

Ananta, 1999 ได้สังเคราะห์ไอร์อนในไอوبเดตโดยวิธีการทำปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง โดยใช้สารตั้งต้น Fe_2O_3 และ Nb_2O_5 ผสมกันในเครื่องบดแบบสันในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) หลังจากนั้นอบที่ 120 °C และนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงและนำมาบดอีกรั้งและ ทำการเผาซ้ำที่อุณหภูมิ 1150-1300 °C จากนั้นนำไปตรวจหาคุณลักษณะของผงไอร์อนในไอوبเดต โดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโตมิเตอร์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 พบว่าได้เฟส ของไอร์อนในไอوبเดตเป็นแบบโนโนคลินิกและ/orthorombic ปั้นกันอยู่และมี เฟสที่ไม่ต้องการคือ FeNb_2O_6 เกิดขึ้น

Yoshikawa, 1999 ได้สังเคราะห์ผง $x\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3 \cdot (1-x)\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ โดยวิธี ปฏิกิริยาไออกซ์ิดด้วยไคลอทิลามีน (diethylamine) ในสารละลายนิตรตเป็นตัวทำให้เกิดการ ตกตะกอน พบว่าจากการอบตะกอนจะได้เฟสอสัมฐานและอนุภาคที่ละเอียดหลังจากนั้นนำไปเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 450-600 °C จะได้เพอรอพสไกค์เฟสและเฟสที่ไม่ต้องการเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการ เผาพบว่าจะได้เพอรอพสไกค์เฟสเพิ่มขึ้น

Youmee และ Phanichphant, 2001 ได้สังเคราะห์ผงไอร์อนในไอوبเดตโดยวิธีการ ตกตะกอนร่วมของสารละลายนิตรต NbCl_5 , กับสารละลายนิตรต FeCl_3 , ผสมกันในสารละลายนอกชาลิกและใช้ NH_4OH ปรับความเป็นกรดค้าง พบว่าที่ pH ประมาณ 10 จะได้ตะกอนสีน้ำตาลดำหลังจากนั้นอบที่ 120 °C และไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (TGA/DTA) หลังจากนั้นนำไปเผาและ นำไปตรวจหาคุณลักษณะของผงไอร์อนในไอوبเดตด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโตมิเตอร์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒และคุณภาพกระจาดตัวของอนุภาค พบว่าได้เฟสของไอร์

รอนใน ไอوبตเมื่อเพาที่ 900°C เป็นแบบโนโนคลินิกเฟสและออร์ไทรอมบิกเฟสและได้อันุภาคที่มีขนาดเล็กและเก่ากันเป็นกลุ่มก้อน

Mohan และ Banerjee, 2001 ได้สังเคราะห์เลดแมกนีเซียมและเลดไออร์อนใน ไอوبต โดยวิธี semiwet hydroxide และศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริก พบว่าการสังเคราะห์จะได้เฟส $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ และ $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ โดยวิธีการนี้จะเพาที่อุณหภูมิ 1000°C และพื้นที่ผิวดองพง $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ จะน้อยกว่าพง $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ จากนั้นนำพง $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ มาอัดเม็ดเซรามิกพบว่ามีความหนาแน่นมากกว่า 90% ที่ 930°C เมื่อนำไปวัดค่าคงที่โดยอิเล็กทริก พบว่าได้เท่ากับ $11,000\text{-}14,000$ หลังจากนั้นนำไปโดป (dope) ด้วยแมงกานีสออกไซด์ (MnO_2) พบว่าค่าคงที่การสูญเสียโดยอิเล็กทริกลดลงและอุณหภูมิคูริงของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ถูกลดลงด้วย

Gao, Xue และ Wang, 2002 ได้ประสานความสำเร็จในการสังเคราะห์ผงนาใน $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ โดยวิธีแมคานิคิลแอคติเวชัน (mechanical activation) ระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 พบว่าได้พง $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ อญ្យในช่วง $5\text{-}15$ นาโนเมตร เมื่อทำการเผาสารตั้งแต่ 500 ถึง 900°C และจะเกิดการสลายตัวบางส่วนเป็นเฟสที่ไม่ต้องการ

Liou, Shih และ Yu ,2002 ได้ศึกษาปริมาณสัมพันธ์ (stoichiometric) ของเซรามิกเพอโรพสไกค์เลด ไออร์อนใน ไอوبต โดยขบวนการเผาสารตั้งต้นระหว่าง PbO , Nb_2O_5 และ $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ และอัดเพาทันที่พบว่าจะได้เซรามิกของเลด ไออร์อนใน ไอوبต 100% ในรูปของเพอโรพสไกค์เฟสเมื่อเพาเข็นรูปที่ 1120°C และ 1210°C เป็นเวลา 2 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับ

Youmee, 2003 ได้ศึกษาการสังเคราะห์ผงละเอบดของเลด ไออร์อนใน ไอوبตสามารถสังเคราะห์โดยวิธีพาร์เซียลออกซ่าเดตและวิธีออกซ่าเดต วิธีพาร์เซียลออกซ่าเดต ได้จากการพัฒนากระบวนการเตรียมผงเลด ไออร์อนใน ไอوبต โดยการใช้พง FeNbO_4 ที่ได้จากการเตรียมโดยวิธีออกซ่าเดตผสมกับ PbO วิธีออกซ่าเดตที่คิดขึ้นมาใหม่สำหรับการเตรียม ไออร์อนใน ไอوبต ได้จากการผสมสารตั้งต้นคลอไรด์ของ ไออร์อนและใน ไอโอเปี้ยน ใช้ไดเออทิลออกซ่าเดตเป็นตัวทำให้เกิดการตกตะกอนของ ไออร์อนใน ไอوبต ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนของกลไกการเกิดของ ไออร์อนใน ไอوبต ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้อน (TG/DTA) และเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกรัชน อุณหภูมิสูง ทำการตรวจสอบพฤติกรรมการเกิดเฟสของเลด ไออร์อนใน ไอوبต ตามเงื่อนไขอุณหภูมิและเวลาโดยเทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้อน (TG/DTA) และเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกรัชน ได้เฟสคิวบิกเทียมของพงเลด ไออร์อนใน ไอوبต แคลไชน์ที่ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง รูปร่างลักษณะของพงเลด ไออร์อนใน ไอوبต ที่แคลไชน์จะใช้กล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒และ การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

Youmee และ Phanichphant, 2004 ได้ศึกษาพงคละเขีขดของเดคไอร์อ่อนในโอมบตโดยปฏิกริยาการตกตะกอนของสารละลายน้ำในเตตและเหล็กกลาไรค์และในโอมเบย์มคลาไรค์ในสารละลายน้ำไฮโครเจนເປ່ອຮູກໃຫ້ ໃນกรດອອກຊາລິກແລະ ໃຫ້ສາຮະລາຍແອມໂມເນີຍເປັນຕົວ ຕົກຕະກອນ ຈາກນັ້ນທໍາການວິເຄຣະໜໍາກາຮສລາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ (TG/DTA) ທໍາການສຶກໝາເພື່ອສຂອງ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ທີ່ໄດ້ຈາກກາຮແຄລໄໝນ໌ທີ່ 800 °C ເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ ຮູປ່າງລັກນະພະຂອງພົງໄອຮ້ອນ ໃນໂອເບຕທີ່ແຄລໄໝນ໌ໂດຍວິທີນີ້ຈະໃຫ້ກຳລັງຈຸລທຽບອີເລີກຕຽນແບບສ່ອງກາຮແລະການວິເຄຣະໜໍານາດອນຸກາກ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

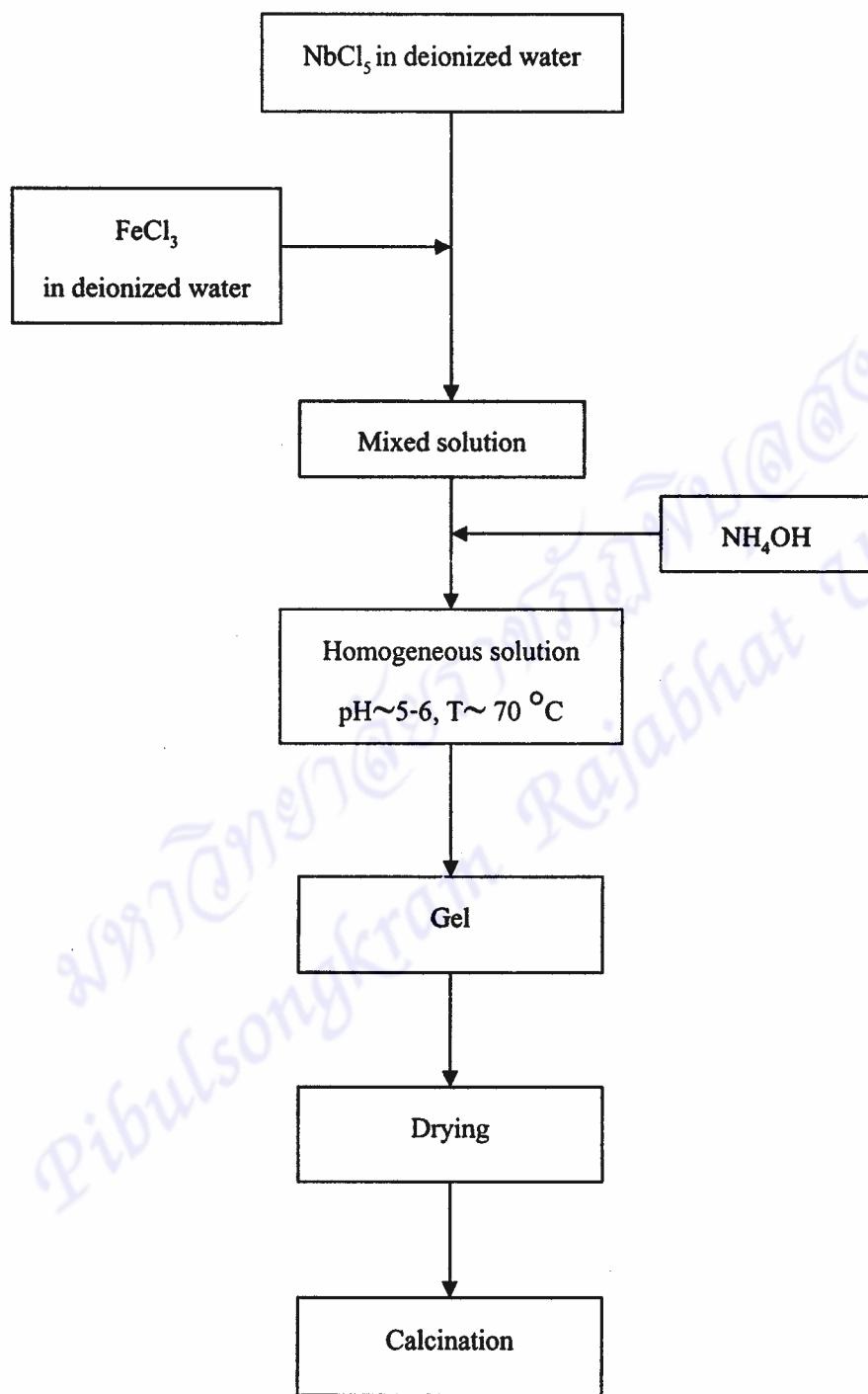
3.1 วิธีการสังเคราะห์ผงelectrodeไอร์อ่อนในโอเบต

3.1.1 วิธีการสังเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอเบตโดยวิธีชลเฉลจ

1. เตรียมสารแ xenon ลอกไนโอดีบีนคลอร์ 0.05 mol ในน้ำกลั่นจำนวน 100 cm^3 พร้อมทั้งคนอย่างแรง
2. เตรียมสารละลายน้ำเหลืองคลอร์ 0.05 mol ในน้ำกลั่นจำนวน 100 cm^3
3. นำสารละลายน้ำเหลืองคลอร์ 0.05 mol จำนวน 100 cm^3 ค่อยๆ เติมใส่ลงไปในสารแ xenon ลอกไนโอดีบีนคลอร์จำนวน 0.05 mol ในน้ำกลั่นจำนวน 100 cm^3 และให้ความร้อนแก่สารละลายน้ำเหลืองคลอร์ที่อุณหภูมิประมาณ 70°C พร้อมทั้งคนตลอดเวลา
4. เติมสารละลายน้ำเหลืองไนโตรออกไซด์พร้อมกับวัด pH ในสารละลายน้ำเหลือง pH ประมาณ 5-6
5. ทำเหมือนข้อ 1-4 แต่เปลี่ยนจำนวนโมลเป็น 0.10, 0.15 และ 0.2 ตามลำดับ
6. นำเจลไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ 120°C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
7. นำเจลที่อบแห้งไปบดและเผาที่อุณหภูมิ $600^\circ\text{C}, 700^\circ\text{C}, 800^\circ\text{C}, 900^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามลำดับ

3.1.2 วิธีการสังเคราะห์ผงelectrodeไอร์อ่อนในโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลชลเฉลจ

1. นำผงไอร์อ่อนในโอเบตที่สังเคราะห์ได้โดยวิธีชลเฉลจมาบดผสมกับelectrode ไนค์ในครกบด (mortar) ในอัตราส่วนระหว่าง $\text{PbO} : \text{FeNbO}_4$ เป็น $2 : 1, 2.1 : 1, 2.2 : 1, 2.3 : 1$ โดยไม่กดตามลำดับ
2. จากนั้นนำของผสมที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ $400^\circ\text{C}, 500^\circ\text{C}, 600^\circ\text{C}, 700^\circ\text{C}, 800^\circ\text{C}, 900^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง



รูปที่ 3.1 แผนภาพการสังเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอเบตโอดิวิชัลเจล

3.2 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงไอร์อ่อนในโอบก

3.2.1 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยการสลายตัวทางความร้อน

นำผงเจลไอร์อ่อนในโอบกที่สังเคราะห์ได้จากวิธีชอลเจลประมาณ 10-20 mg นำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TGA/DTA แล้ววิเคราะห์ผลที่ได้

Parameter

Final temp	1100 °C
Start temp	50 °C
Scanning rate	20 °C/min
Sample	10-20 mg

Condition

Load condition	Load temp
Load temp	50 °C
Go to temp rate	100.0 °C/min

3.2.2 วิธีการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในโอบกโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโนมิเตอร์

หาโครงสร้างของผงไอร์อ่อนในโอบกที่สังเคราะห์ได้จากวิธีชอลเจลเทียบกับมาตรฐาน JCPDS FILE โดยนำตัวอย่างมาบดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในแบบบรรจุสารด้วยเปลอร์สเปคแล้วปิดพิวน้ำให้เรียบจากนั้นนำไปตรวจวิเคราะห์

3.2.3 วิธีการวิเคราะห์ผงไฮร์อ่อนในไอوب็ตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

การเตรียมตัวอย่างผงไฮร์อ่อนในไอوب็ตเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรานำตัวอย่างที่แห้งไปจัดวางบนสตับ (stub) ทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยการใช้เทปกาวเป็นตัวเชื่อมผิวล่างของตัวไว้ติดอยู่บนสตับกาวที่ใช้จะต้องมีโลหะผสมหรือจะต้องเป็นสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หลังจากขั้นตอนการติดตัวอย่างบนสตับซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าเม้ติง (mounting) แล้วจะต้องนำตัวอย่างไปคลานผิวคุ้ยไม่เด็กุลของโลหะในที่ระเหยสูญญากาศ (vacuum evaporation) นาน 15 นาที การเคลือบหรือฉาบ (coating) ที่ทำกันอยู่เป็นประจำมักจะเริ่มจากการฉาบผิวของตัวอย่างด้วยคาร์บอนเสียก่อนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและตามด้วยการฉาบผิวด้วยทองผสมแพลเลดีียม (gold-palladium) ความหนาแน่นของแผ่นไม่เด็กุลของโลหะดังกล่าวรวมทั้งแผ่นคาร์บอนซึ่งถูกกรองกันไม่ควรเกิน 15 nm ตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบพร้อมที่จะนำไปตรวจภายในได้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้ทันที ตัวอย่างเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ต้องเก็บไว้ในตัวอย่างที่แห้งและปราศจากผุ่งจากนั้นนำไปคุณนาคของอนุภาคคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ผงไฮร์อ่อนในไอوب็ตโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค

วัดการกระจายตัวของผงไฮร์อ่อนในไอوب็ตที่สั่งเคราะห์ได้จากวิธีชอลเจลโดยนำตัวอย่างมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปตรวจวิเคราะห์

3.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อหาคุณลักษณะของผงเคลือบไฮร์อ่อนในไอوب็ต

3.3.1 วิธีการวิเคราะห์ผงเคลือบไฮร์อ่อนในไอوب็ตโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรนซ์โกรมิเตอร์

หาโครงสร้างของผงเคลือบไฮร์อ่อนในไอوب็ตที่สั่งเคราะห์ได้จากวิธีพาร์เซิลเซลเจลเทียบกับมาตรฐาน JCPDS FILE โดยนำตัวอย่างมาบดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในแบบบรรจุสารด้วยเปอร์สเปกแล้วปิดผิวน้ำให้เรียบจากนั้นนำไปตรวจวิเคราะห์

3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ผงเคลือบไฮร์อ่อนในไอوب็ตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

การเตรียมตัวอย่างผงเคลือบไฮร์อ่อนในไอوب็ตเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรานำตัวอย่างที่แห้งไปจัดวางบนสตับ (stub) ทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยการใช้กาวเป็นตัวเชื่อมผิวล่างของตัวไว้ติดอยู่บน

สตั๊บการที่ใช้จะต้องมีโลหะผสมหรือจะต้องเป็นสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หลังจากขั้นตอนการติดตัวอย่างบนสตั๊บซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าเม้ติ้ง (mounting) แล้วจะต้องนำตัวอย่างไปปูบนผิวคิวบ์ในเดกุลของโลหะในที่ระเหยสูญญากาศ (vacuum evaporation) นาน 15 นาที การเคลือบหรือลง (coating) ที่ทำกันอยู่เป็นประจำจะเริ่มจากการปูบนผิวของตัวอย่างด้วยคาร์บอนเสียก่อนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและตามด้วยการปูบนผิวคิวบ์ทองพสมแพลเลดียม (gold-palladium) ความหนาแน่นของแผ่นในเดกุลของโลหะดังกล่าวรวมทั้งแผ่นคาร์บอนซึ่งปูบนครั้งแรกรวมกันไม่ควรเกิน 15 นาโนเมตร ตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบพร้อมที่จะนำไปตรวจภาคได้ก็ถือว่ามีคุณภาพแล้ว แต่ต้องรักษาไว้ในตัวอย่างที่แห้งและปราศจากฝุ่นจากนั้นนำไปคุณภาพดูดซับของอนุภาคน้ำที่ต้องเก็บไว้ในตัวอย่างที่แห้งและ

3.3.3 วิธีการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอบนโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค วัดการกระจายตัวของผงเดคไอร์อ่อนในโอบนที่สั่งเคราะห์ได้จากวิธีพาร์เซียลชอลเจล โดยนำตัวอย่างมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปตรวจวิเคราะห์

3.4 วิธีการวิเคราะห์ห้องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องวัดการคุณลักษณะโดยอะตอม

3.4.1 วิธีการเตรียมสารละลายนามาตรฐานตะกั่ว

เตรียมสารละลายนามาตรฐานตะกั่วที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันเตรียมได้จากสารละลายตะกั่วเข้มข้น 1000 ppm เตรียมสารละลายนามาตรฐานตะกั่วความเข้มข้นดังนี้ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ppm โดยใช้ในโกรปีเปตคุณสารละลายนามาตรฐานตะกั่ว 1000 ppm มาดังนี้ 12.5, 25.0, 37.5, 50.0 และ 62.5 μl ตามลำดับ ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 25.00 cm^3 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตรแล้วถ่ายสารละลายทิ้งหมนคลงในขวดพลาสติก

3.4.2 วิธีการเตรียมสารละลายนามาตรฐานเหล็ก

เตรียมสารละลายนามาตรฐานของเหล็กที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันเตรียมได้จากสารละลายนามาตรฐานเหล็กเข้มข้น 1000 ppm โดยเตรียมสารละลายนามาตรฐานที่มีความเข้มข้นดังนี้ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1 ppm โดยใช้ในโกรปีเปตคุณสารละลายนามาตรฐานเหล็กเข้มข้น 1000 ppm มา 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 และ 25.00 μl ตามลำดับใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 25.00 cm^3 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตรแล้วถ่ายสารละลายใส่ลงในขวดพลาสติก

3.4.3 วิธีการเตรียมสารละลายนามารฐานในไอร์อ่อน

เตรียมสารละลายนามารฐานของในไอร์อ่อนที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันเตรียมได้จากสารละลายนามารฐานในไอร์อ่อนเข้มข้น 1000 ppm โดยเตรียมสารละลายนามารฐานที่มีความเข้มข้นดังนี้ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1 ppm โดยใช้ในโครปีเปตคุณสารละลายนามารฐานในไอร์อ่อนเข้มข้น 1000 ppm มา 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 และ 25.00 μl ตามลำดับใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 25.00 cm³ ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำกรดไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตรแล้วถ่ายสารละลายน้ำกรดไฮโดรคลอริกใส่ลงในขวดพลาสติก

3.4.4 วิธีการเตรียมสารละลายน้ำย่างจากผงผลัดไอร์อ่อนในไอร์เบตสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดการคุณภาพลีนแสบโดยอะตอม

1. ชั่งตัวอย่างของผงผลัดไอร์อ่อนในไอร์เบตที่เผาที่อุณหภูมิ 900 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำจำนวน 50 mg ใส่ลงในบิกเกอร์ขนาด 50 cm³ แล้วถ่ายสารละลายน้ำกรดไฮโดรฟูออริกและกรดไนตริก (หมายเหตุ ให้ระวังการใช้กรดไฮโดรฟูออริกควรทำในศูนย์วัน)
2. ปล่อยให้ตัวอย่างเย็นลงแล้วกรองสารละลายน้ำ (ดูขั้นตอนการกรองเบอร์ 42) ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 500 cm³
3. ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำกรดไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตร
4. ถ่ายสารละลายน้ำย่างที่ได้ใส่ลงในขวดพลาสติก
5. นำไปวัดทางปริมาณโลหะโดยใช้เครื่องวัดการคุณภาพลีนแสบโดยอะตอมแล้วเขียนกราฟนามารฐานซึ่งเป็นระหว่างค่าการคุณภาพลีนแสบกับความเข้มข้นเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีของผงผลัดไอร์อ่อนในไอร์เบต

3.5 วิธีการเตรียมและหาคุณลักษณะของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบেต

3.5.1 วิธีการเตรียมแผ่นเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบেต

นำผงเดคไอร์อ่อนในโอบেตที่สังเคราะห์ได้จากวิธีพาร์เซียลซอลเจลมาประมาณ 2.0 g นำไปอัดด้วยเครื่องอัดเม็ดเซรามิกไข่คราลิกใช้แม่พิมพ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 cm นำแผ่นเซรามิกที่ได้ไปเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C , 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเป็น 10°C ต่อนาทีและการลดลงของอุณหภูมิเป็น 10°C ต่อนาที

3.5.2 วิธีการวิเคราะห์เซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบেตโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแทกต์กอกโนมิเตอร์

หาเฟสของเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบেตที่สังเคราะห์ได้จากวิธีพาร์เซียลซอลเจลเทียบกับมาตรฐาน JCPDS FILE โดยนำตัวอย่างมาขัดลงไปในแบบบรรจุสารคัวซเบอร์สเปคแล้วจากนั้นนำไปตรวจวิเคราะห์

3.5.3 วิธีการวิเคราะห์เซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบे�ตโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒化

การเตรียมตัวอย่างเซรามิกเดคไอร์อ่อนในโอบেตเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒化คนนำตัวอย่างที่แห้งไปจัดวางบนสตั๊บ (stub) ทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยการใช้กราวีนตัวเชื่อมผิวล่างของตัวให้ติดอยู่บนสตั๊บกราวีนี้จะต้องมีโลหะผสมหรือจะต้องเป็นสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หลังจากขึ้นตอนการติดตัวอย่างบนสตั๊บซึ่งขึ้นตอนนี้เรียกว่าเม้ติง (mounting) แล้วจะต้องนำตัวอย่างไปฉายผิวคัวบโน้มเลกูลของโลหะในที่ระเหยสูญญากาศ (vacuum evaporation) นาน 15 นาที การเคลือบหรือลาม (coating) ที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้เริ่มจากการฉายผิวของตัวอย่างด้วยคาร์บอนเสียก่อนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและตามด้วยการฉายผิวคัวบของสมแพลเกเดียม (gold-palladium) ความหนาแน่นของแผ่นโน้มเลกูลของโลหะดังกล่าวรวมทั้งแผ่นคาร์บอนซึ่งจะมีความกว้าง 15 nm ตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบพร้อมที่จะนำไปตรวจภายในได้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒化ได้ทันที ตัวอย่างเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ต้องเก็บไว้ในตัวอย่างที่แห้งและปราศจากฝุ่นจากนั้นนำไปดูขนาดของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒化

3.5.4 วิธีทางความหนาแน่นแผ่นเซรามิก

นำแผ่นเซรามิกมาหาความหนาแน่นโดยการแทนที่น้ำในเครื่องวัดความหนาแน่นและคำนวณโดยใช้หลักของอาร์คิมีดีส (Archimedes' principle) สำหรับแผ่นเซรามิกที่จะนำมาหาความหนาแน่นจะต้องนำไปแข็งในน้ำกลั่นก่อนและจึงต้นประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นน้ำหนักที่ถูกต้อง (วิธีการคำนวณดูในภาคผนวก)

3.5.5 วิธีวัดการหดตัวของแผ่นเซรามิก

นำแผ่นเซรามิกที่เผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิค่าง ๆ มาวัดการหดตัวเบริญเทียบแผ่นเซรามิกเดคไอร์่อน ในโอบบทก่อนเพาโดยวัดความหนาของแผ่นเซรามิกและเส้นผ่าศูนย์กลาง (วิธีการคำนวณดูในภาคผนวก)

บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 ผลการสังเคราะห์ผงไฮร์ออนในโอบนต

4.1.1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ผงไฮร์ออนในโอบนต

ในการทดลองนี้ได้มีการสังเคราะห์ผงไฮร์ออนในโอบนตจากวิธีซอลเจล โดยใช้สารตั้งต้นเป็น NbCl_5 และ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ และหาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลได้แก่ ความเข้มข้น อุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยา เวลาที่ใช้ในการเกิดเจล สถานะความเป็นกรดค้าง สรุปผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปสภาวะที่ใช้สังเคราะห์ผงไฮร์ออนในโอบนตจากวิธีซอลเจล

อัตราส่วนความเข้มข้น ของ Fe : Nb (mol dm^{-3})	อุณหภูมิของปฏิกิริยา ($^{\circ}\text{C}$)	เวลาที่ใช้ในการ เกิดเจล (นาที)	pH ในการเกิดเจล
0.5 : 0.5	70.0	41	5.4
1.0 : 1.0	70.0	21	4.7
1.5 : 1.5	70.0	13	5.2
2.0 : 2.0	70.0	10	5.4

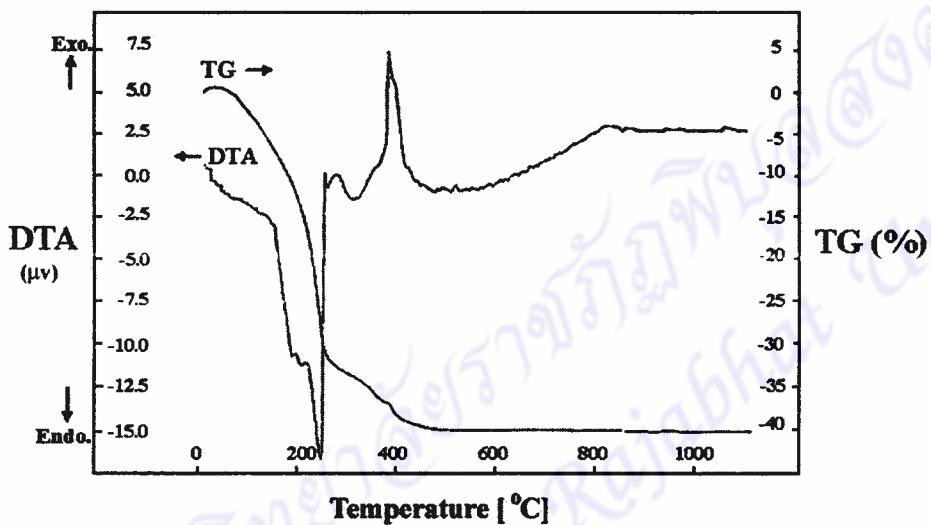
จากการสังเกตสีและลักษณะของเจลที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโคลไรซิสและปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพบว่าที่อัตราส่วนโมลของ Fe และ Nb ทุก ๆ อัตราส่วนจะได้เจลที่มีลักษณะคล้ายรูนไสสีน้ำตาลแดงมีความหนืดสูง เมื่อนำมาอบและเผาจะได้ผงละเอียดสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลแดงป่นคำ ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 สีของเจลและลักษณะของผงไฮร็อกซอนในโอบектที่สังเคราะห์ได้

อัตราส่วนความเข้มข้นของ Fe : Nb (mol dm ⁻³)	ลักษณะของเจล	ลักษณะผง FeNbO ₄ ที่สังเคราะห์ได้
0.5 : 0.5	รูนสีน้ำตาลแดง	ผงละเอียดสีน้ำตาลแดง
1.0 : 1.0	รูนสีน้ำตาลแดง	ผงละเอียดสีน้ำตาลแดง
1.5 : 1.5	รูนสีน้ำตาลแดงเข้ม	ผงละเอียดสีน้ำตาลแดงป่นคำ
2.0 : 2.0	รูนสีน้ำตาลแดงเข้ม	ผงละเอียดสีน้ำตาลแดงป่นคำ

4.1.2 ผลวิเคราะห์การถ่ายตัวทางความร้อนของเจลไออร์อ่อนในโอบ.en

ในงานวิจัยนี้จะใช้เครื่องวิเคราะห์การถ่ายตัวทางความร้อน (TGA/DTA) โดยใช้ตัวอย่างเจลประมาณ 10-20 mg ผลการถ่ายตัวทางความร้อนของเจลที่สังเคราะห์โดยวิธีซอกเจลในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 50-1100 °C แสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 TGA/DTA เทอร์โมแกรมของเจลไออร์อ่อนในโอบ.en

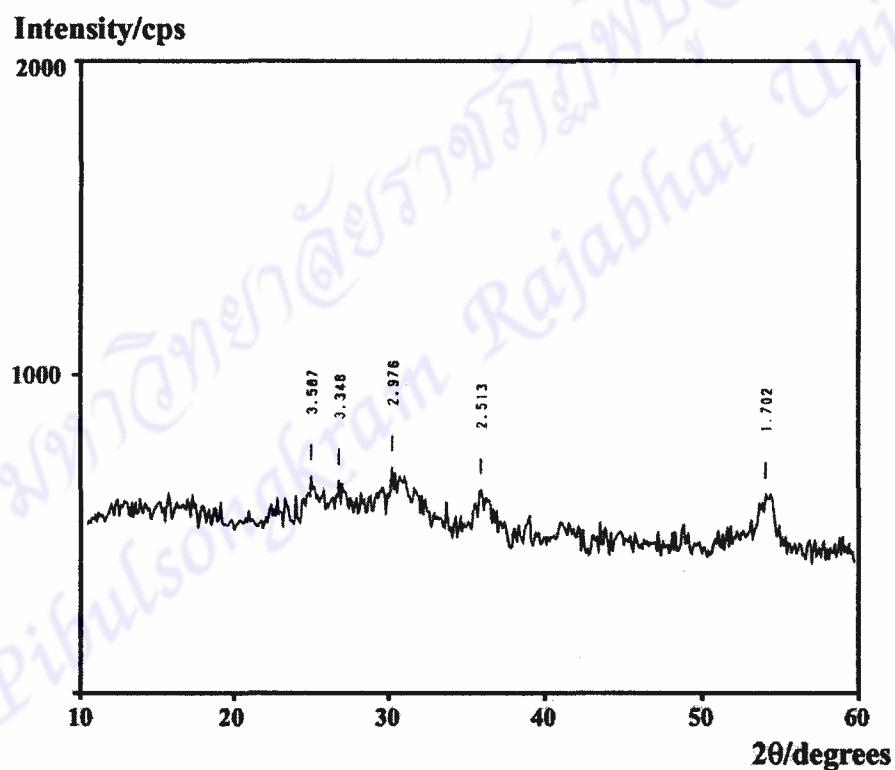
จากผลการวิเคราะห์ทางความร้อนของเจลจะทำให้ทราบว่ากระบวนการเผาเจลที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักคือที่อุณหภูมิตั้งแต่ 500 °C ขึ้นไป และจากผลการทดลองด้วยเทคนิคการถ่ายตัวทางความร้อน ดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 สรุปผลช่วงอุณหภูมิของน้ำหนักเจลที่สูญเสียไปและพลังงานที่เกี่ยวข้อง

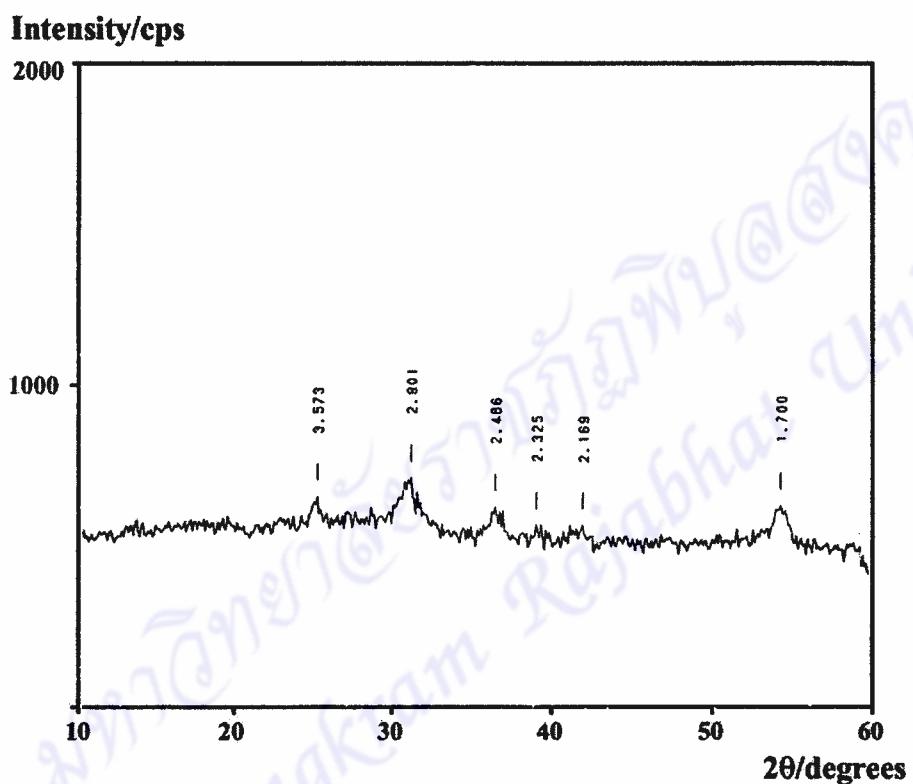
การเปลี่ยนแปลง	ช่วงอุณหภูมิ		
	ช่วงที่ 1	ช่วงที่ 2	ช่วงที่ 3
น้ำหนักที่สูญเสียไป (%)	10	15-20	10
ช่วงอุณหภูมิของน้ำหนักเจลที่สูญเสียไป (°C)	50-200	200-250	250-400
พลังงานที่เกี่ยวข้อง	ดูดพลังงาน	ดูดพลังงาน	ด้ายพลังงาน

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในไอوبตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน

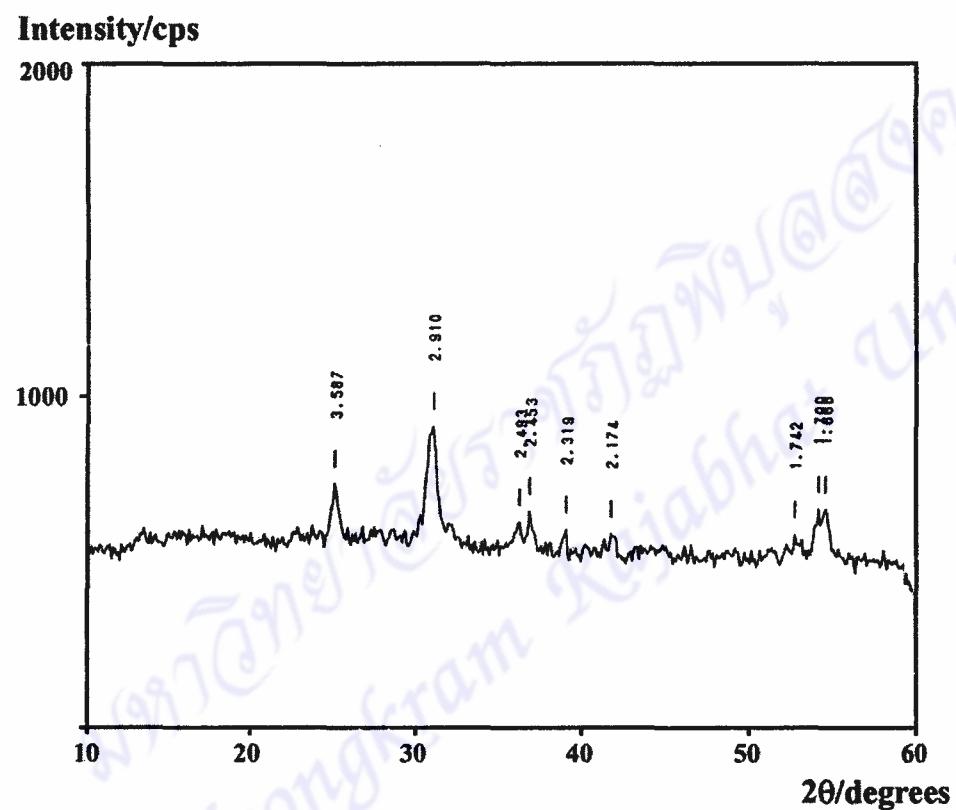
งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโทมิเตอร์ (X-ray Diffractometer, Philips PW 1700) ในการหาโครงสร้างของสารที่สังเคราะห์ได้ จากการนำเจลไปเผาให้เป็นผงไอร์อ่อนในไออบตที่ อุณหภูมิ 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ผงไอร์อ่อนในไออบตที่สังเคราะห์โดยวิธีขอลเจลด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชันจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสี-เอกซ์ (X-ray Diffraction pattern) แสดงดังรูปที่ 4.2-4.5



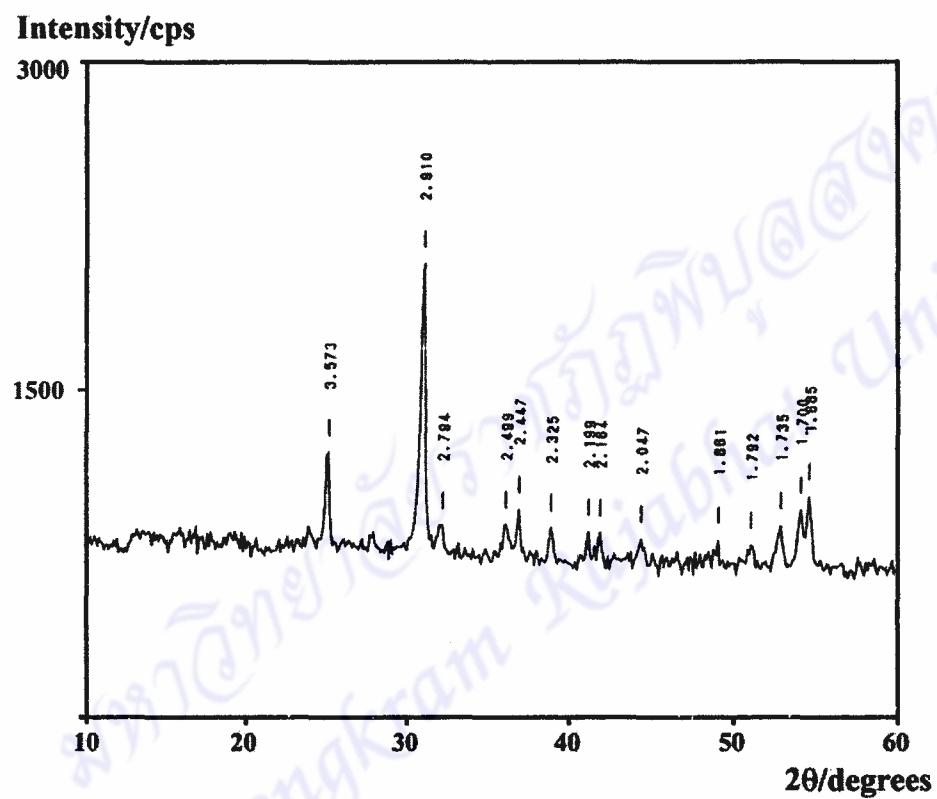
รูปที่ 4.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงไอร์อ่อนในไออบตที่เผาที่ 600°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



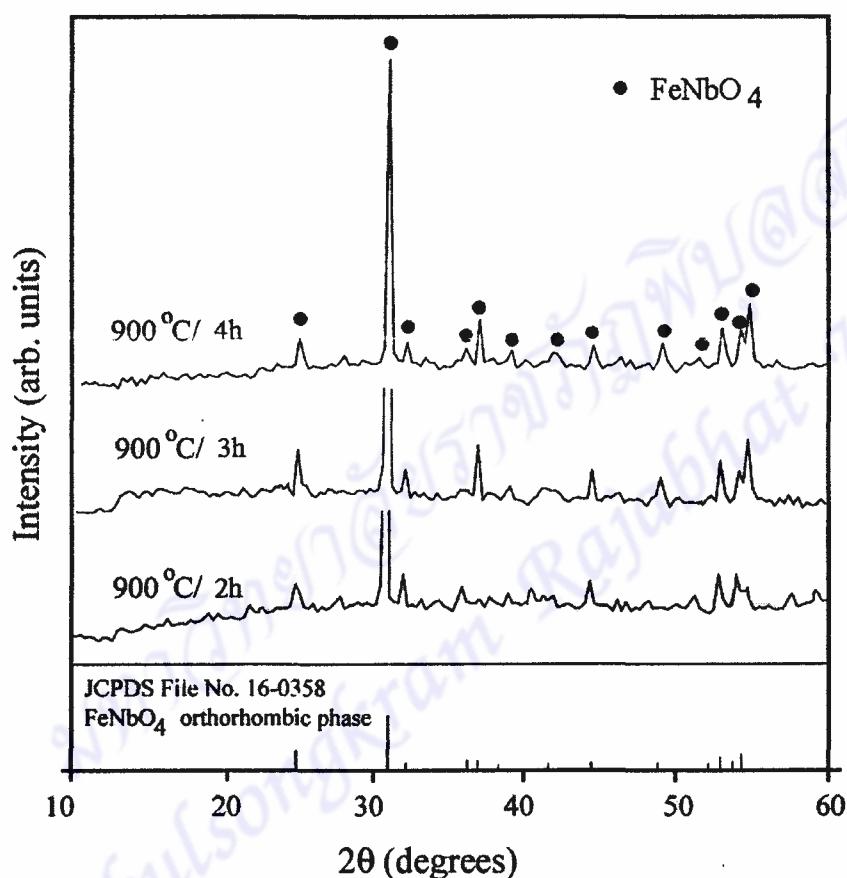
รูปที่ 4.3 รูปแบบการเก็บรังสีเอกซ์ของผงไอร์อ่อนในไอนีตที่เผาที่ 700°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



รูปที่ 4.4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงไอร์อ่อนในไอนเนตที่เผาที่ 800°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



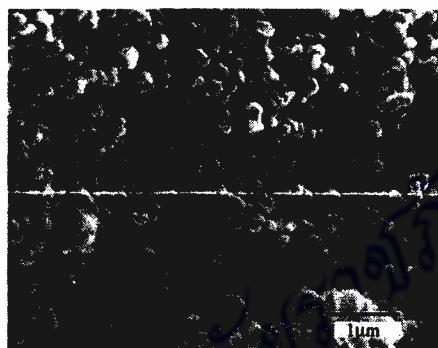
รูปที่ 4.5 รูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของผงไอรอนในไอนেตที่เผาที่ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



รูปที่ 4.6 รูปแบบของร่องรอยการเปลี่ยนรังสีเอกซ์ของผงไฮดรอนในโอมเดที่เผาที่อุณหภูมิ $900\text{ }^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 2, 3 และ 4 ชั่วโมง

4.1.4 ผลการหารูปร่างลักษณะของผงไอร์่อนในโอเบต

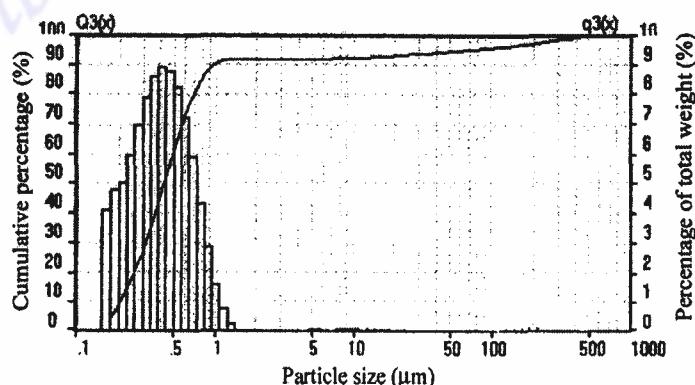
การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาค (microstructure) และสัณฐานวิทยา (morphology) ของสภาพพื้นผิวของผงไอร์่อนในโอเบตที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, LEO รุ่น 1450 VP จากประเทศสาธารณรัฐเชก) ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ภาพถ่าย SEM ของผงไอร์่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

4.1.5 ผลวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคของผงไอร์่อนในโอเบต

การวิเคราะห์การกระจายตัวของผงไอร์่อนในโอเบตที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมงด้วยเครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค (Particle size analyzer, Malvern S Ver2.19) ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 การกระจายตัวของผงไอร์่อนในโอเบตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

4.2 ผลการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในไออบেต

4.2.1 ผลการหาสภาวะการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในไออบेट

การทดลองนี้ได้นำผงไอร์อ่อนในไออบेट (FeNbO_4) ที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่สังเคราะห์จากวิธีซอลเจลมาบดผสมกับเลดออกไซด์ (PbO) ที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งในอัตราส่วนระหว่าง PbO ต่อ FeNbO_4 เป็น 2:1, 2.1:1, 2.2:1 และ 2.3:1 ตามลำดับ จากปฏิกิริยาระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 ตามทฤษฎีจะต้องใช้อัตราส่วนไมล เป็น 2:1 ดังสมการที่ 4.1

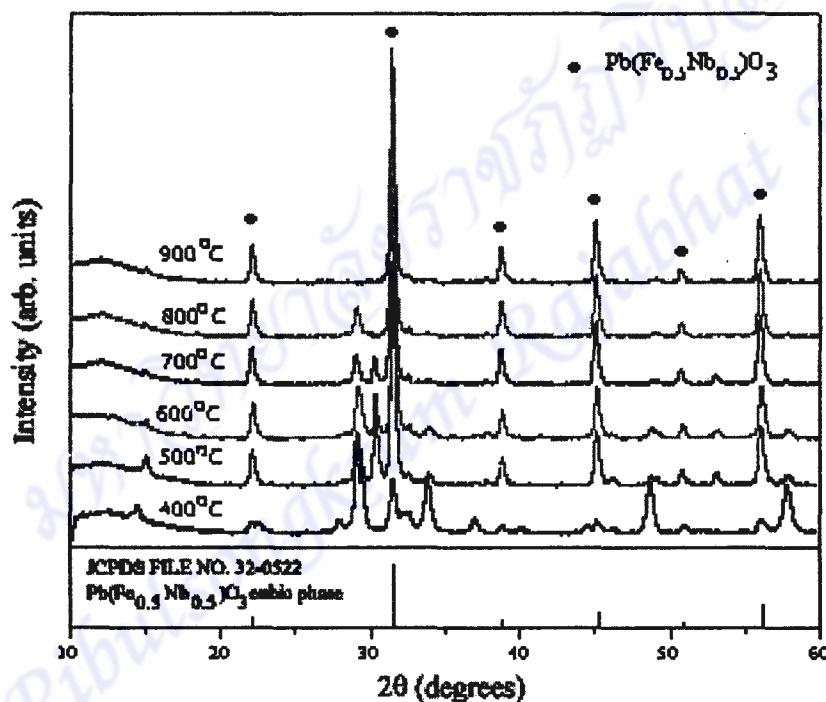


จากการทดลองไม่เป็นเช่นนั้นพบว่าอัตราส่วนไมลระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 กับที่อัตราส่วน 2.1 ต่อ 1 จะให้ผงละเอียด $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าในอัตราส่วนอื่น ในการสังเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในไออบेटโดยการทำปฏิกิริยากันในสภาวะของแข็งของ PbO กับ FeNbO_4 จะต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงกว่า 1000°C จะทำให้มีการสูญหายไปของ PbO เนื่องจากว่าจุดเดือดของ PbO จะอยู่ที่ประมาณ 780°C ทำให้มี PbO บางส่วนสูญหายไปขณะที่ทำการเผาผงจึงจำเป็นต้องใช้จำนวนไมลของเลดออกไซด์สูงกว่า 2 เท่าเล็กน้อย และถ้าใช้ PbO มากเกินไปจะทำให้ PbO ที่เกินมาเกิดปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งเป็นเฟสอื่นที่ไม่ต้องการ (pyrochlore phase)

จากนั้นใช้อัตราส่วนไมลของ PbO กับ FeNbO_4 ในอัตราส่วนไมล 2.1:1 มาบดในกรอบดีบี เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในอุ่นหานอลและนำไปป้อนที่ 120°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C , 900°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแทรคโทมิเตอร์

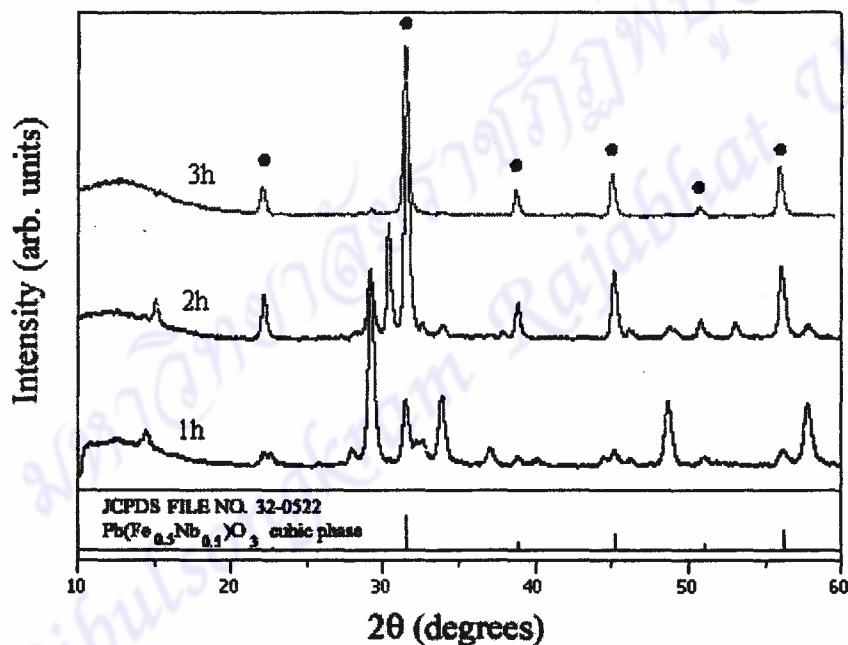
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอเนตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟfracชัน

งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟfracก็อกโนมิเตอร์ (X-ray Diffractometer, Philips PW 1700) ในการหาโครงสร้างของผงเดคไอร์อ่อนในโอเนตที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ผงเดคไอร์อ่อนในโอเนตที่สังเคราะห์โดยวิธีพาร์เซียลซอลเจลด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟfracชันจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ แสดงดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงเดคไอร์อ่อนในโอเนตเผาที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชันจะได้แบบอย่างการเลือบเวนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS ที่แฟ้มเลขที่ 32-0522 พบว่าเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900°C จะได้เฟสของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ที่สมบูรณ์ จากนั้นนำลงที่เผาที่อุณหภูมิที่ 900°C ไปนานาที่เหมาสมในการเผาคือนำไปเผาที่เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับและนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน ซึ่งแสดงผลในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 รูปแบบการเลือบเวนรังสีเอกซ์ของผลิตภัณฑ์เผาผ่านในไอนีคที่เผาต่อที่อุณหภูมิ 900°C , เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ

จากผลการวิเคราะห์ผงเดคไอร์ออนในโอเนตที่สังเคราะห์โดยวิธีพาร์เซิลชอลเจลที่เพาพง อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วย เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชันจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนที่จะสามารถใช้สมการของ Swartz และ Shrout หากความสัมพันธ์ของความเข้มของพีกที่แสดงเฟสเพอรอพสไกค์กับเฟสที่ไม่ต้องการจาก สมการที่ 4.2 พนว่าเปอร์เซ็นต์เฟสเพอรอพสไกค์มีค่าเท่ากับความเข้มของพีกในเฟสเพอรอพสไกค์ ส่วนความเข้มของพีกในเฟสเพอรอพสไกค์บวกความเข้มของพีกในเฟสที่ไม่ต้องการถูกตัด 100 แสดงผลดังตารางที่ 4.4

$$\% \text{ เฟสเพอรอพสไกค์} = I_{\text{perovskite}} / (I_{\text{pyrochlore}} + I_{\text{perovskite}}) \times 100 \quad (4.2)$$

$I_{\text{perovskite}}$ = ความเข้มของพีกที่แสดงเฟสเพอรอพสไกค์ (ตำแหน่ง 110)

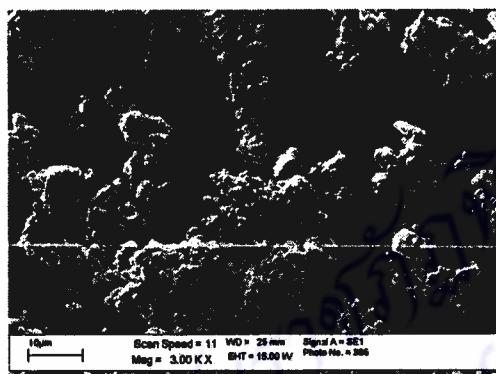
$I_{\text{pyrochlore}}$ = ความเข้มของพีกในเฟสที่ไม่ต้องการ (ตำแหน่ง 222)

ตารางที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์ของเฟสเพอรอพสไกค์ของผงเดคไอร์ออนในโอเนตที่เพาอุณหภูมิต่าง ๆ กัน

อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา (C°)	% เฟสเพอรอพสไกค์
500	45
600	63
700	85
800	90
900	100

4.2.3 ผลการหานรูปร่างลักษณะของผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีต

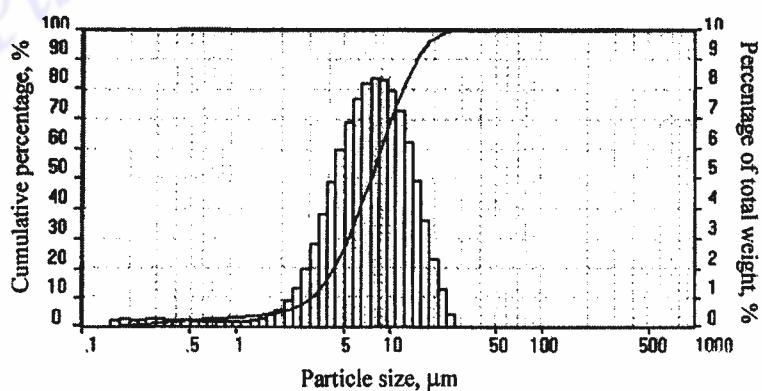
การศึกษาลักษณะโครงสร้างขนาดเล็กและรูปร่างลักษณะของสภาพพื้นผิวผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้อง (SEM, LEO รุ่น 1450 VP จากประเทศสาธารณรัฐอาณาจักร) ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 ภาพถ่าย SEM ของผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

4.2.4 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคของผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีต

การวิเคราะห์การกระจายตัวของผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีตที่เผาผงอุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงด้วยเครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค (Particle size analyzer, Malvern S Ver2.19) ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.12



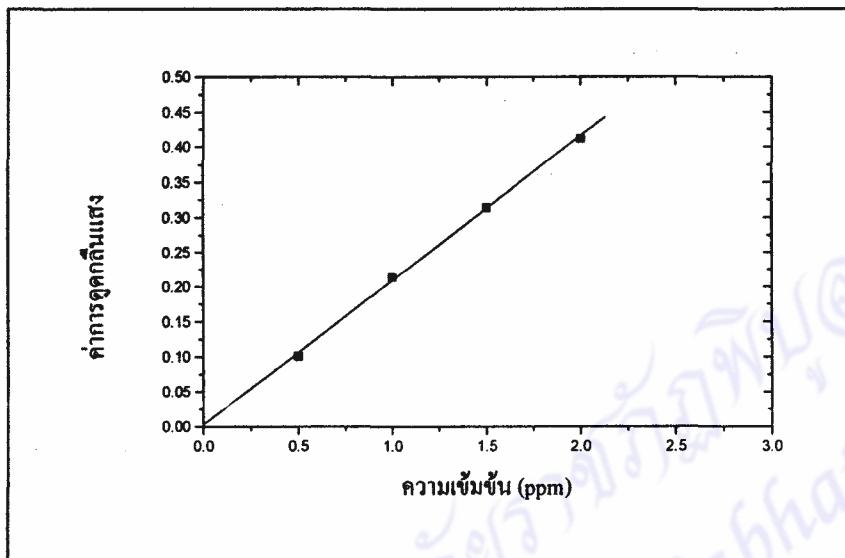
รูปที่ 4.12 การกระจายตัวของผงเลดี้อิอร์ออนในไอโอบีตเผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

4.3 ผลการวิเคราะห์ห้องค์ประกอบทางเคมีของผงเลดี้อิอร์่อนในโอเบต

การทดลองนี้ได้นำผงเลดี้อิอร์่อนในโอเบตที่เผาอุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงและอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มา 50 mg แล้วละลายด้วยกรดไฮโดรฟูอริกและกรดไนโตริก ในขวดแคปปิ้ลปริมาตรขนาด 500 cm^3 และเท็จาง 10 เท่าจะได้ความเข้มข้นของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ มีค่าเท่ากับ 1 ppm (pert per million) ซึ่งหมายความว่าในสารละลายของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ 1 ppm จะมีความเข้มข้นของตะกั่วเป็น 1 ppm ความเข้มข้นของเหล็ก 0.5 ppm และความเข้มข้นของไนโตรเจน 0.5 ppm จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาความเข้มข้นด้วยเครื่องวัดการคูดกลีนแสงโดยอัตโนม (AAAS) โดยวัดค่าการคูดกลีนแสงของสารละลายน้ำตราชูนของตะกั่ว เหล็ก ในไนโตรเจน แสดงดังตารางที่ 4.5, 4.6 และ 4.7 และนำมาเขียนกราฟนามาตรฐานแสดงดังรูปที่ 4.13, 4.14 และ 4.15 จากนั้นวิเคราะห์หาความเข้มข้นและคำนวณห้องค์ประกอบทางเคมีของผงเลดี้อิอร์่อนในโอเบตได้ผลแสดงในตารางที่ 4.8 และ 4.9

ตารางที่ 4.5 ค่าการคูดกลีนแสงของสารละลายน้ำตราชูนตะกั่ว

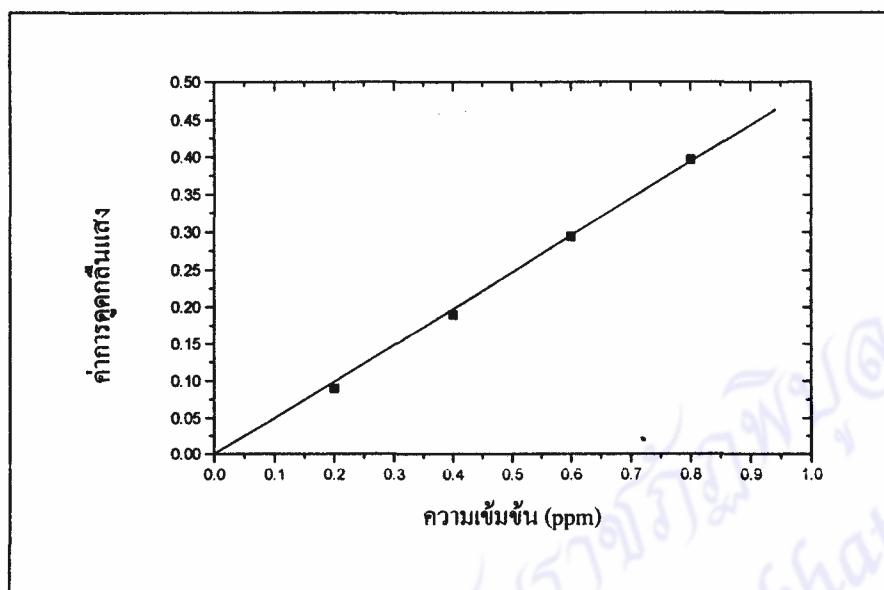
ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตราชูนตะกั่ว (ppm)	ค่าการคูดกลีนแสง
0.50	0.101
1.00	0.214
1.50	0.314
2.00	0.412
2.50	0.617



รูปที่ 4.13 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำตรฐานตะกั่ว

ตารางที่ 4.6 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตรฐานเหล็ก

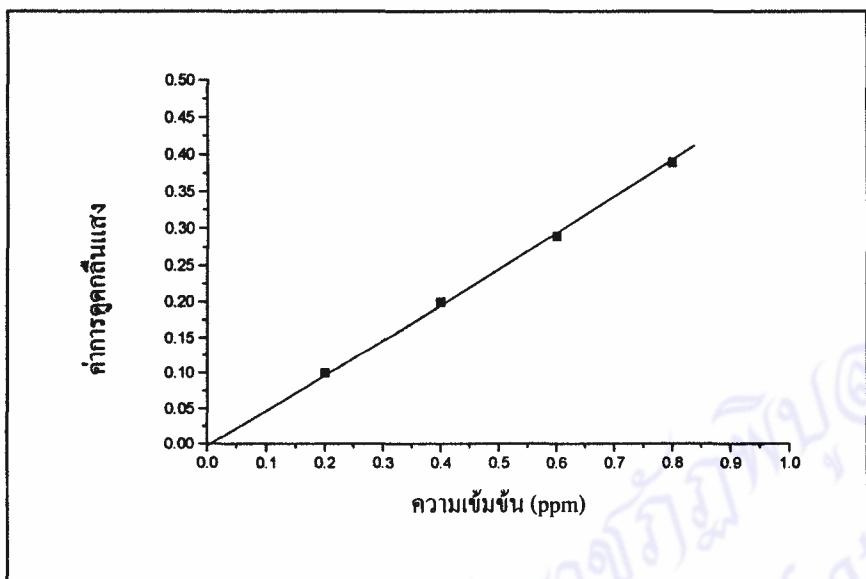
ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตรฐานเหล็ก (ppm)	ค่าการดูดกลืนแสง
0.20	0.09
0.40	0.19
0.60	0.294
0.80	0.397
1.00	0.441



รูปที่ 4.14 グラฟมาตรฐานของสารละลายน้ำตรรูปเหล็ก

ตารางที่ 4.7 ค่าการอุดกถีนแสงของสารละลายน้ำตรรูปในโอลิเมร์

ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตรรูปในโอลิเมร์ (ppm)	ค่าการอุดกถีนแสง
0.20	0.1
0.40	0.2
0.60	0.29
0.80	0.39



รูปที่ 4.15 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำแร่ในโอดีเยน

ตารางที่ 4.8 ค่าการคูณลึ่นแสงของตะกั่ว เหล็กและไนโอลีบีน ในสารตัวอย่าง

ตัวอย่างสารที่ วิเคราะห์	ค่าการคูณลึ่นแสง			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	เฉลี่ย
ตะกั่ว	0.212	0.213	0.213	0.213
เหล็ก	0.252	0.243	0.247	0.247
ไนโอลีบีน	0.247	0.238	0.237	0.241

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของผงเคลือบไอรอนในโอบต

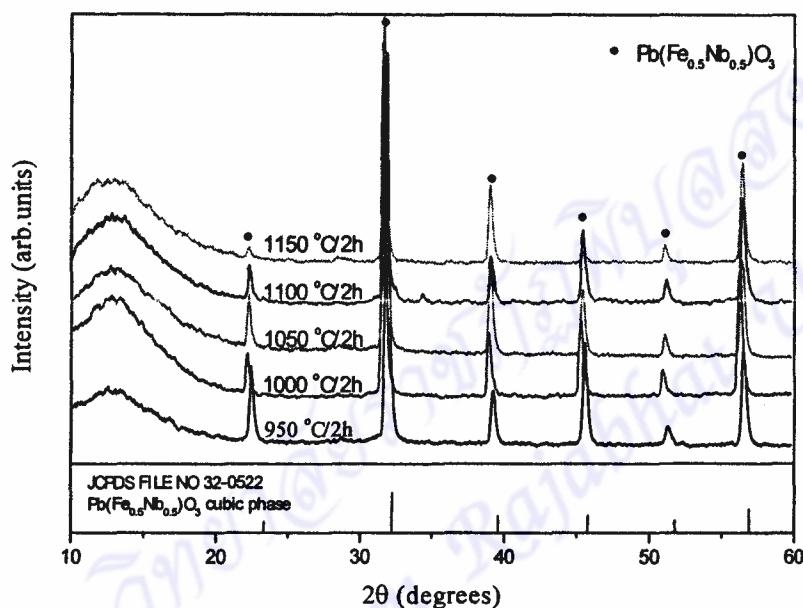
ธาตุ	ความเข้มข้นของธาตุในสารประกอบ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ (ppm)	
	สูตร	วัดได้
Pb	1	0.99
Fe	0.5	0.51
Nb	0.5	0.48

4.4 ผลการวิเคราะห์หลักมลพิษทางของเซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบেต

จากการสังเคราะห์ผงเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตโดยวิธีพาร์เซียลซอลเจลพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเผาผงเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตคือที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้เฟสเพอรอพส์ไกต์ 100 % จากนั้นนำผงเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตที่สังเคราะห์มาซึ่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ 2.0 กรัมต่อตัวอย่างแผ่นเซรามิกและนำมาอัดแผ่นเซรามิกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตรและนำไปเผาโดยให้มีเลดออกไซด์ในขณะการเผาเพื่อทำให้เกิดบรรยายกาศของตะกั่วป้องกันการสูญเสียของตะกั่วเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง ทำการเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C และ 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามลำดับและทำการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแผ่นเซรามิก

4.4.1 ผลการวิเคราะห์เซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน

นำแผ่นเซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตที่เผาขึ้นรูปไปตรวจสอบเฟสของเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโทมิเตอร์ (X-ray Diffractometer, Philips PW 1700) และคงดังรูปที่ 4.16 จากการทดลองพบว่าทุกอุณหภูมิการเผาขึ้นรูปแผ่นเซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในไอโอบีตจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS ที่เพิ่มเลขที่ 32-0522 ซึ่งเป็น 100 % เพอรอพส์ไกต์เฟสคิวบิกของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$



รูปที่ 4.16 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเซรามิกเคลดิอร์อ่อนในไอนেตที่เผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C และ 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

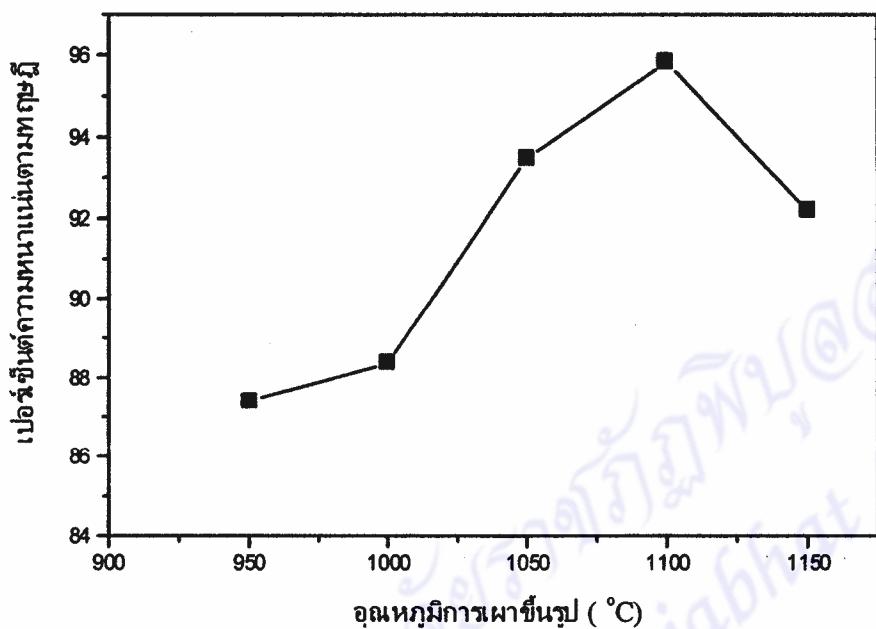
4.4.2 ผลการหาความหนาแน่นของเซรามิกเลดไอร์อ่อนในโอเบต

เมื่อนำแผ่นเซรามิกเลดไอร์อ่อนในโอเบตที่เผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C และ 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาหาความหนาแน่นของแผ่นเซรามิกที่ได้โดยการแทนที่น้ำ และคำนวณ โดยใช้หลักของอาร์คิเมดีส (Archimedes' principle) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4.10

เมื่อให้ความร้อนแก่เลดไอร์อ่อน ใน โอเบตจะมีการสูญเสียไปของเลดออกไซด์ได้จาก พฤติกรรมการเผาขึ้นรูปเซรามิกเลดไอร์อ่อน ใน โอเบตที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่มีผลต่อความหนาแน่น สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเปอร์เซ็นต์ความหนาแน่นตามทฤษฎีแสดง ดังรูปที่ 4.17

ตารางที่ 4.10 ค่าความหนาแน่นของเซรามิกเลดไอร์อ่อนใน โอเบตที่เผาขึ้นรูปอุณหภูมิต่าง ๆ

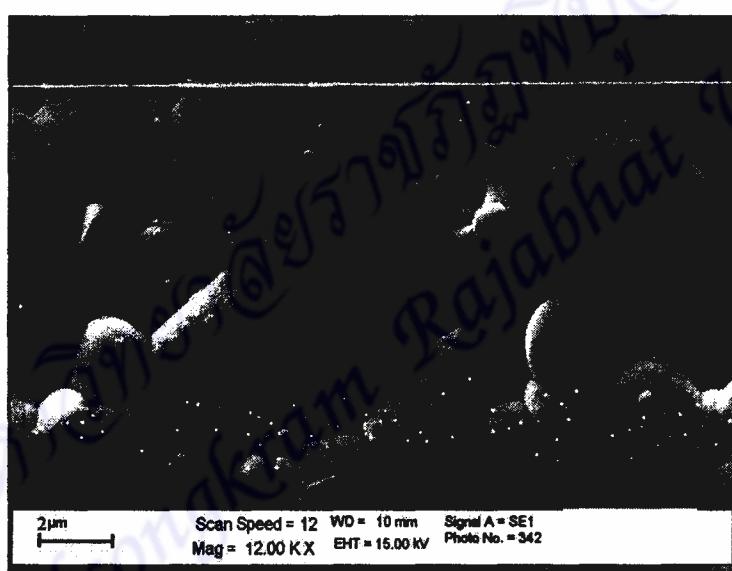
อุณหภูมิการเผา ขึ้นรูป ($^{\circ}\text{C}$)	ความหนาแน่น (g/cm^3)			ความ หนาแน่น เฉลี่ย (g/cm^3)	% ความ หนาแน่นตาม ทฤษฎี	% ความเป็น รูปรุนเฉลี่ย
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3			
950	7.42	7.41	7.34	7.39	87.42	12.6
1000	7.48	7.46	7.47	7.47	88.37	11.6
1050	7.94	7.90	7.87	7.91	93.48	6.5
1100	8.10	8.10	8.10	8.10	95.82	4.2
1150	7.83	7.77	7.79	7.80	92.19	7.8



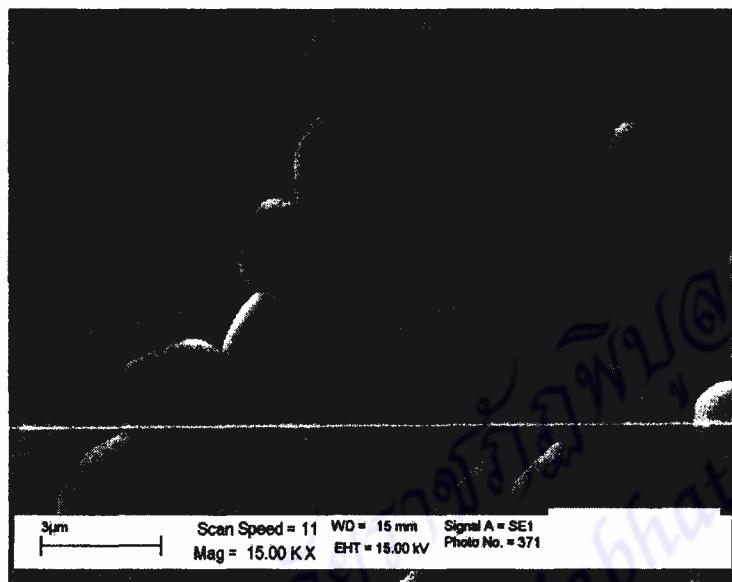
รูปที่ 4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการเผาชีนรูปกับเปลือร์เช็นต์ความหนาแน่น
ตามเดิม

4.4.3 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเซรามิกเคลือบไอร์่อนในโอบเดคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

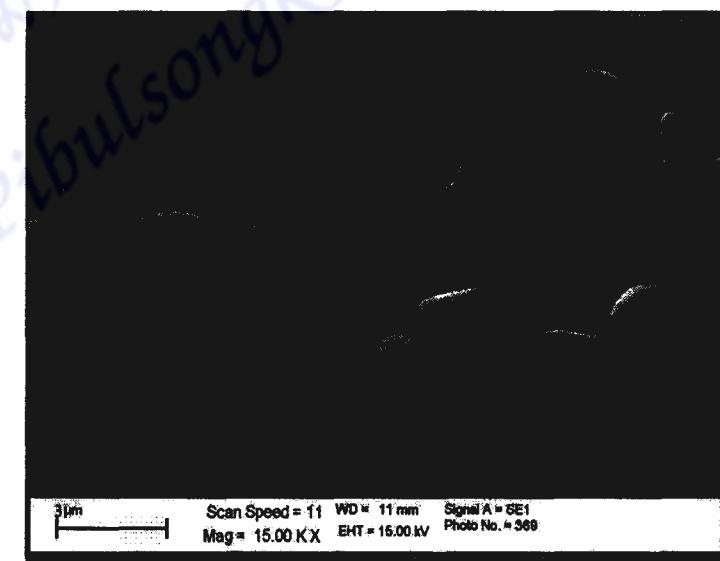
การศึกษาลักษณะโครงสร้างขนาดเดี่ยวกันและรูปร่างลักษณะของสภาพพื้นผิวของเซรามิกเคลือบไอร์่อนในโอบเดคที่เผาอุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C และ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, LEO รุ่น 1450 VP จากประเทศสาธารณรัฐเชcoeslawakia) ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.18-4.21



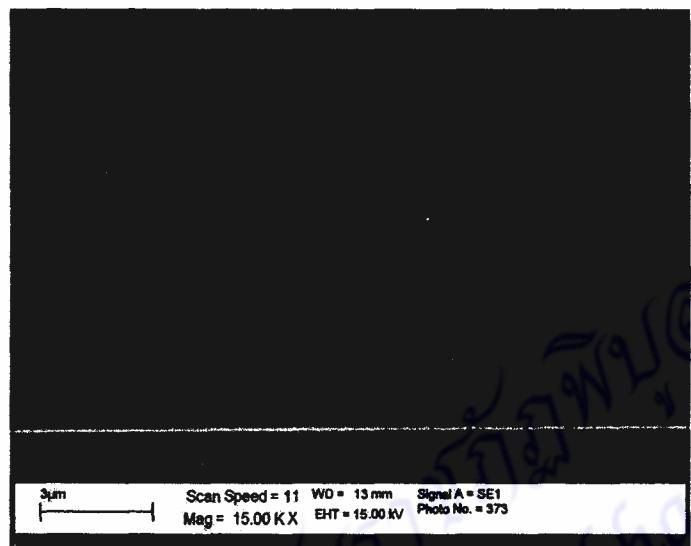
รูปที่ 4.18 ภาพถ่าย SEM ของเซรามิกเคลือบไอร์่อนในโอบเดคเผาที่ชื่นรูปที่อุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM ของเซรามิกเลด์ไออร์ออนในโอบเดเพาช์รูปที่อุณหภูมิ $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.20 ภาพถ่าย SEM ของเซรามิกเลด์ไออร์ออนในโอบเดเพาช์รูปที่อุณหภูมิ $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.21 ภาพถ่าย SEM ของเซรามิกเลดิโอร์อนในโอบนเดาเข็นรูปที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

4.4.4 ผลการวิเคราะห์ทำการทดสอบตัวของแผ่นเซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในโอเบต

เมื่อนำเซรามิกเคลือบไอร์อ่อนในโอเบตที่เผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 950°C , 1000°C , 1050°C , 1100°C และ 1150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาทำการทดสอบตัวของแผ่นเซรามิกโดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาของแผ่นเซรามิกก่อนเผาและหลังเผาขึ้นรูป พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาขึ้นรูปจะมีผลทำให้การทดสอบตัวของแผ่นเซรามิกมีค่าสูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 เปอร์เซ็นต์การทดสอบตัวของแผ่นเซรามิก

อุณหภูมิการเผาขึ้นรูป ($^{\circ}\text{C}$)	% การทดสอบตัวของแผ่นเซรามิก
950	6.43
1000	7.84
1050	8.12
1100	9.25

จากการทดลองพบว่าเมื่อเผาขึ้นรูปเซรามิกไอร์อ่อนในโอเบตที่อุณหภูมิ 950°C จะได้เปอร์เซ็นต์การทดสอบตัวเป็น 6.43 และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 1000°C , 1050°C และ 1100°C ตามลำดับจะได้เปอร์เซ็นต์การทดสอบตัวเป็น 7.84, 8.12 และ 9.25 ตามลำดับ

จากข้อมูลของเบอร์เซ็นต์เฟสเพอรอพสไกค์ของเลดไอร์อ่อนในโอบектที่หางานเทคนิคเอกสาร
เรย์ดิฟแฟร์กัชัน เบอร์เซ็นต์ความหนาแน่นตามทฤษฎี เบอร์เซ็นต์การหดตัวแผ่นเซรามิกและขนาดของ
อนุภาค สามารถสรุปผลดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 สรุปข้อมูลคุณลักษณะของความหนาแน่นที่อุณหภูมิการเผาเข้าสู่ปั่นต่าง ๆ

อุณหภูมิการเผาเข้าสู่ ปั่น ($^{\circ}\text{C}$)	% เฟสเพอรอพสไกค์	% การหดตัว	% ความ หนาแน่นตาม ทฤษฎี	ขนาดอนุภาค (μm)
950	100	6.43	87.4	2-3
1000	100	7.84	88.4	2-4
1050	100	8.12	93.5	2-4
1100	100	9.25	95.8	3-5

บทที่ 5

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห์ผง ไอร์่อน ในโอบเทกโนวิชชูลเจล

ในการทดลองนี้ได้มีการสังเคราะห์ผง ไอร์่อน ในโอบเทกโนวิชชูลเจล โดยใช้สารตั้งต้นเป็น NbCl_5 และ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ และหาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจล ได้แก่ ความเข้มข้น อุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยา เวลาที่ใช้ในการเกิดเจล สถานะความเป็นกรดค้าง จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นระหว่างสารแขวนลอยในโอบเทกโนวิชชูลเจล ไอร์่อนจะใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเป็นเงินเดือนอย่าง จากเวลา 41 นาทีที่ความเข้มข้นของสารทั้งสองเป็น 0.5 mol dm^{-3} เวลาจะลดลงตามลำดับจนกระทั่งความเข้มข้นของสารทั้งสองเป็น 2.0 mol dm^{-3} จะใช้เวลาในการเกิดเจลประมาณ 10 นาที จากการทดลองพบว่า ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 0.5 mol dm^{-3} และมากกว่า 2.0 mol dm^{-3} จะไม่เหมาะสมในการเกิดเจล จากการสังเกตสีและลักษณะของเจลที่ได้จากปฏิกิริยา ไอโตรไลซิสและปฏิกิริยาตอนเด่นเช่น พบร่วมกันของ Fe และ Nb ทุก ๆ อัตราส่วนจะได้เจลที่มีลักษณะคล้ายรูนใสสีน้ำตาลแดง มีความหนืดสูง เมื่อนำมาอบและเผาจะได้ผงละอองสีน้ำตาล แดงถึงน้ำตาลแดงปนดำ

ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อน (TGA/DTA) โดยใช้ตัวอย่างเจลประมาณ 10-20 mg ผลการสลายตัวทางความร้อนของเจลที่สังเคราะห์โดยวิชชูลเจลในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ $50-1100^\circ\text{C}$ แสดงดังรูปที่ 4.1 ในส่วนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเทอร์โมแกรฟิเมทรี อะนาไลซีส (TGA) เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาความเสถียรทางความร้อนของสาร โดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเทียบกับอุณหภูมิขณะที่มีอัตราการให้ความร้อนคงที่ พบร่วมกับการวิเคราะห์เส้นเทอร์โมแกรฟ (thermogram) น้ำหนักของเจลไอร์่อนในโอบเทกโนวิชชูลเจลประมาณ 40 % ในช่วงที่ 1 อุณหภูมิต่ำกว่า 200°C จะมีการสูญเสียของน้ำหนักเจลประมาณ 15 % เป็นผลเนื่องมาจากการระเหยของสารอินทรีย์และการระเหยของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ในโอบเทกโนวิชชูลเจล ช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิระหว่าง $200-250^\circ\text{C}$ นี้เป็นส่วนสำคัญมากน้ำหนักจะสูญเสียไปประมาณ 15-20 % เป็นผลเนื่องมาจากการแยกสลายโอบเทกโนวิชชูลเจลของสารประกอบอินทรีย์ขณะที่อุณหภูมิสูง ช่วงที่ 3 อุณหภูมิระหว่าง $250-400^\circ\text{C}$

ช่วงนี้น้ำหนักจะสูญเสียไปประมาณ 10 % เป็นผลเนื่องมาจากการจัดเรียงโมเลกุลใหม่ของสารอินทรีที่เหลืออยู่และที่อุณหภูมิสูงกว่าน้ำหนักของสารลดลงน้อยมาก จากรายงาน (Phule and Risbud, 1988 :185) และ (Griesmar et al., 1990 : 1288) พบว่าเมื่อให้ความร้อนแก่เจลของสารได้ น้ำหนักของสารจะลดลงประมาณ 40 % ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้

ส่วนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไฟฟ้อร์เรนเซียลเทอร์มอล อะนาไลซิส (DTA) เป็นเทคนิคที่ศึกษาความแตกต่างของพลังงานที่ให้เข้าไประหว่างสารตัวอย่างและตัวอ้างอิง (reference) เทียบกับอุณหภูมิขณะที่มีขั้นตอนการให้ความร้อนคงที่ จากผลการวิเคราะห์ผงเจลไออร์อ่อนในโอเบต พบว่าช่วงอุณหภูมิ 150-300 °C จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบดูดความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการดัดแปลงทางความร้อนของสารประกอบอินทรีและช่วงอุณหภูมิ 400-500 °C จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบขายความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเป็นสารอินทรี

ในการหารายการสร้างของสารที่สังเคราะห์ได้ จากการนำเจลไปเผาให้เป็นผงไออร์อ่อนในโอเบต ที่อุณหภูมิ 600 °C, 700 °C, 800 °C และ 900 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ผงไออร์อ่อนในโอเบตที่สังเคราะห์โดยวิธีซอลเจลด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน จะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสี-เอกซ์ (X-ray Diffraction pattern) แสดงดังรูปที่ 4.2-4.5 จากการนำเจลที่เผาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชันจะได้ว่าแบบอย่างการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์มีพิก (peak) ปรากฏขึ้นเมื่อเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 600 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และจากการเผาที่อุณหภูมิ 600 °C และ 700 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าจะสังเกตพิกได้ไม่ชัดแต่ก็จะปรากฏความเป็นผลลัพธ์ของ FeNbO_4 เกิดขึ้น จากการเผาที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมงจะมีพิกของ FeNbO_4 ที่ชัดเจนแต่ยังมีความบริสุทธิ์ของ FeNbO_4 ไม่ถึง 100 % และมีเฟสที่ไม่ต้องการปะเล็กน้อยและเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าเมื่อนำผลที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโทมิเตอร์เทียบกับมาตรฐานของ JCPDS ที่แฟ้มเลขที่ 16-0358 ได้ผลใกล้เคียงกันมาก รวมทั้งรูปร่างลักษณะของพิกที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ว่าเป็น FeNbO_4 จริง ซึ่งมีพิกหลักที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับพิกมาตรฐานของ JCPDS ที่แฟ้มเลขที่ 16-0358 สรุปว่าการสังเคราะห์ผงไออร์อ่อนในโอเบต โดยวิธีซอลเจลจะเผาที่อุณหภูมิ 900 °C ก็ปรากฏเฟสของ FeNbO_4 ที่ต้องการและมีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งจะพบว่า การสังเคราะห์โดยวิธีซอลเจลนี้ จะใช้อุณหภูมิในการเผาต่ำกว่าการสังเคราะห์ด้วยการทำปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งที่เผาผงที่อุณหภูมิ 800-1200 °C และจะเกิดเฟสที่ต้องการที่ประมาณ 1150 °C (Ananta, 1999 : 1880)

จากนั้นนำผงที่เผาอุณหภูมิ 900°C ไปหาน้ำที่เหมือนในการเผาผงคือนำไปเผาที่เวลา 2, 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับและนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน ซึ่งแสดงผลในรูปที่ 4.6 พบว่าเวลาที่เหมือนกันคือ 4 ชั่วโมง เมื่อนำผลที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน เทียบกับมาตรฐานของ JCPDS ที่แฟ้มเลขที่ 16-0358 ได้ผลใกล้เคียงกันมาก รวมทั้งรูปร่างลักษณะของ พิคที่เกิดขึ้นสามารถเขียนยังได้ว่าเป็น FeNbO_4 ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเป็นแบบออร์โทรอมบิก (Youmee, 2002)

การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาค (microstructure) และสัมฐานวิทยา (morphology) ของ สภาพพื้นผิวของผงไอร์ออกอนในโอเบตที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดูด้วยแสง ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.7 จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องการดูด้วยแสงของอนุภาคที่มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค อยู่ในช่วง $0.2\text{-}0.4 \mu\text{m}$ หรือ $200\text{-}400 \text{ nm}$ อนุภาคจะมีการเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเป็นสมบัติอย่าง หนึ่งของผงไอร์ออกอนในโอเบตที่มีสมบัติความเป็นแย่เหล็กป่นอยู่ (Youmee, 2002) จากผลการ วิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคจะอยู่ในช่วง $0.2\text{-}1.5 \mu\text{m}$ และอนุภาคเฉลี่ยเป็น $0.4 \mu\text{m}$ จากรูปเมื่อ พิจารณาการกระจายตัวของอนุภาค พบว่าอนุภาคจะกระจายตัวในช่วง 10 % (d_{10}) จะมีอนุภาคขนาด ประมาณ $0.20 \mu\text{m}$ การกระจายตัวในช่วง 25 % (d_{25}) จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $0.28 \mu\text{m}$ การกระจาย ตัวในช่วง 50 % (d_{50}) จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $0.41 \mu\text{m}$ และการกระจายตัวในช่วง 90 % (d_{90}) จะมี อนุภาคขนาดประมาณ $0.95 \mu\text{m}$ ในกรณีวิเคราะห์ผงอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากจำเป็นจะต้องอาศัย เทคนิควัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคมาเขียนยังผลที่ได้จากการดูดของจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องการดูด ซึ่งผลที่ได้ก็สอดคล้องกัน

5.2 สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห์ผงเลดไอร์ออนในโอบেตโดยวิธีพาร์เซียลของเจล

การทดลองนี้ได้นำผงไอร์ออนในโอบेट (FeNbO_4) ที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่สังเคราะห์จากวิธีซื้อเลกลามาบคผสมกับเลดออกไซด์ (PbO) ที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งในอัตราส่วนระหว่าง PbO ต่อ FeNbO_4 เป็น 2:1, 2.1:1, 2.2:1 และ 2.3:1 ตามลำดับ จากปฏิกิริยาระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 ตามทฤษฎีจะต้องใช้อัตราส่วนโมล เป็น 2:1 ดังสมการที่ 4.1



จากการทดลองไม่เป็นเช่นนั้นพบว่าอัตราส่วนโมลระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 กับที่อัตราส่วน 2:1 ต่อ 1 จะให้ผลลัพธ์เป็น $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$, ที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าในอัตราส่วนอื่น มีรายงานของ Lopatin *et al.*, 1987 Chien and Seshu, 1993 และ Youmee and Phanichaphant, 2004 ว่าในการสังเคราะห์ผงเลดไอร์ออนในโอบे�ตโดยการทำปฏิกิริยากันในสภาวะของแข็งของ PbO กับ FeNbO_4 จะต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงกว่า 1000°C จะทำให้มีการสูญเสียไปของ PbO เนื่องจากว่าจุดเดือดของ PbO จะอยู่ที่ประมาณ 780°C ทำให้มี PbO บางส่วนสูญเสียไปขณะที่ทำการเผาผงซึ่งจำเป็นต้องใช้จำนวนโมลของเลดออกไซด์สูงกว่า 2 เท่าเล็กน้อย และจากรายงาน (Ananta, 1999) ถ้าใช้ PbO มากเกินไปจะทำให้ PbO ที่เกินมาเกิดปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งเป็นเฟสอื่นที่ไม่ต้องการ (pyrochlore phase)

งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโගโนมิเตอร์ (X-ray Diffractometer, Philips PW 1700) ในการหาโครงสร้างของผงเลดไอร์ออนในโอบे�ตที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ผงเลดไอร์ออนในโอบे�ตที่สังเคราะห์โดยวิธีพาร์เซียลของเจลด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชันจะได้แบบอย่างการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ แสดงตั้งรูปที่ 4.9 พน.ว่าเมื่อเผาผงที่อุณหภูมิ 500°C , 600°C และ 700°C จะเริ่มปรากฏเฟสของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ซึ่งพีกที่สูงแหลมในช่วง 2θ ประมาณ 32° ที่ปรากฏจะแสดงถึงพีกหลักของเพอร์อพไกต์ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ในตำแหน่ง (110) และจะมีพีกในช่วง 2θ ประมาณ $28-31^\circ$ จำนวน 2 พีกที่ไม่สูงมากนัก จากรายงานของ Jenhi *et al.*, 1998 พีกที่ตำแหน่ง 29° จะเป็นพีกของ PbO (222) แสดงว่าถ้าเผาผงที่อุณหภูมิในช่วง $500-700^\circ\text{C}$ จะยังคงมี PbO เกิดขึ้นในการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง PbO กับ FeNbO_4 และเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900°C จะได้พีกที่ตำแหน่งต่าง ๆ 6 พีกหลักของ 2θ ในช่วง $10-60^\circ$ เมื่อนำไปเทียบกับมาตรฐานของ $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ของ JCPDS ที่แฟ้มเลขที่ 32-0522 พน.ว่าเมื่อ

พิจารณาปร่วงลักษณะของพีกที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ว่าเป็นเฟอร์อฟไกต์เลดไอร์ออนในโอบเดชั่งพื้นฐานได้ว่าเป็น $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ในรูปผลึกของแบบคิวบิก (cubic) ที่มีคุณสมบัติเป็น $PR3m$ มีค่าคงที่ของหน่วยเซลล์เป็น 4.074 \AA (Griesmar, 1990 : 1288)

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชันจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน JCPDS ที่เพ้มเลขที่ 32-0522 พนว่าเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900°C จะได้เฟสของ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ที่สมบูรณ์ จากนั้นนำผงที่เผาที่อุณหภูมิที่ 900°C ไปหาเวลาที่เหมาะสมในการเผาคือนำไปเผาที่เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมงตามลำดับและนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชัน ชั่งแสดงผลในรูปที่ 4.10 พนว่าเวลาที่เหมาะสมคือ 3 ชั่วโมง เมื่อนำผลที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชัน เทียบกับมาตรฐานของ JCPDS ที่เพ้มเลขที่ 32-0522 ได้ผลใกล้เคียงกันมาก รวมทั้งรูปร่วงลักษณะของพีกที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ว่าเป็นเฟส $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ซึ่งมีรูปร่วงผลึกเป็นแบบคิวบิก (Griesmar, 1990 : 1288)

จากผลการวิเคราะห์ผงเลดไอร์ออนในโอบเดชที่สังเคราะห์โดยวิธีพาร์เซียลซอลเจลที่เผาผงที่อุณหภูมิ 400°C , 500°C , 600°C , 700°C , 800°C และ 900°C ตามลำดับ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชันจะได้แบบอย่างการเลี้ยวเบนที่จะสามารถใช้สมการของ Swartz และ Shroud หากความสัมพันธ์ของความเข้มของพีกที่แสดงไฟฟ์เฟอร์อฟไกต์กับไฟฟ์ที่ไม่ต้องการจากสมการที่ 4.2 พนว่าเปอร์เซ็นต์ไฟฟ์เฟอร์อฟไกต์มีค่าเท่ากับความเข้มของพีกในไฟฟ์เฟอร์อฟไกต์ ส่วนความเข้มของพีกในไฟฟ์เฟอร์อฟไกต์นั้นความเข้มของพีกในไฟฟ์ที่ไม่ต้องการคูณด้วย 100

การศึกษาลักษณะโครงสร้างขนาดเด็กและรูปร่วงลักษณะของสภาพพื้นผิวผงเลดไอร์ออนในโอบเดชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้องได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.11 จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้องลักษณะของผงอนุภาคเลดไอร์ออนในโอบเดชนี้ลักษณะรูปร่วงเป็นทรงกลมขนาดเด่นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคอยู่ในช่วง $2\text{-}3 \mu\text{m}$ อนุภาคจะมีการเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อน

จากผลวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาคจะอยู่ในช่วง $0.2\text{-}20 \mu\text{m}$ และอนุภาคเฉลี่ยเป็น $6 \mu\text{m}$ จากรูปเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอนุภาค พนว่าอนุภาคจะกระจายตัวในช่วง $10\% (d_{10})$ จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $2.36 \mu\text{m}$ การกระจายตัวในช่วง $25\% (d_{25})$ จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $3.76 \mu\text{m}$ การกระจายตัวในช่วง $50\% (d_{50})$ จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $5.94 \mu\text{m}$ และการกระจายตัวในช่วง $90\% (d_{90})$ จะมีอนุภาคขนาดประมาณ $14.61 \mu\text{m}$

จากผลการทดลองว่าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมเมื่อนำมาคำนวณหาองค์ประกอบทางเคมีจะได้ความเข้มข้นของธาตุในสารประกอบ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ของเท่ากับ 0.99 ppm เหล็กเท่ากับ 0.51 ppm และไนโตรบีม 0.48 ppm ในการทดลองหาความเข้มข้นของธาตุในสารประกอบ $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ด้วยเทคนิควัดการคุณภาพลีนแสงโดยอะตอมนี้เมื่อนำมาหาความคลาดเคลื่อน (error) ในรูปของความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative error) จะหาได้จาก (เกตุ, 2534 : 156)

$$\% \text{ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์} = \frac{\text{ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์} \times 100}{\text{ค่าจริง}}$$

ซึ่งความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์จะหาจากค่าที่วัดได้ลบค่าจริง ในการผิดของตะกั่วความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 1 % และของเหล็กเท่ากับ 2 % และไนโตรบีมเท่ากับ 4 % จากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นถือเป็นปกติที่ยอมรับได้ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากความไม่แน่นอน (uncertainties) ในการวัด ซึ่งในการเกิดขึ้นนั้นผู้ทดลองจะไม่ทราบและไม่สามารถที่จะควบคุมได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนวิจัยต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ร่องในใบเบต้าไปประชุมต่อสู่ผู้ติดต่อที่อื่น เช่น ไฟเบอร์ หรือฟิล์มนาง ซึ่งกำลังมีประโยชน์มากในปัจจุบัน
- การมีการศึกษาเรียนรู้โดยการนำใบเบต้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในศาสตร์อื่นด้วยเช่น พลิกส์และวิศวกรรม เป็นต้น
- ควรหาวิธีทำการสังเคราะห์ให้ได้ขนาดเป็นนาโนสเกลจะมีประโยชน์ต่องานวิจัยทางนาโนเทคโนโลยี

บรรณาธิการ

บรรณานุกรม

- เกตุ กรุดพันธ์. (2534). เคมีวิเคราะห์ชั้นสูง เล่ม 1. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ชุมิมา ศรีวิญญู. (2536). คณิตศาสตร์ ภาควิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- บัณฑิต ศิลปศาสตร์. (2539). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ คณิตศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พิทักษ์ อุยมี. (2535). การเตรียมผงแบบเรียนติดตามที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซองเจล. วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- เวกิน นพนิชย์. (2534). ဂูดราตน์อิเล็กตรอน. คณิตศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สิงห์สุนทร สุโพธิ์. (2543). “การเตรียมผงเซรามิกโดยวิธีทางเคมี”. วารสารวัสดุ MTEC. 5, (7) : 34-38.
- เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์. (2543). วัสดุศาสตร์มูลฐาน. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Ananta, S. and Thomas, N. W. (1999). “Relationships between sintering conditions, microstructure and dielectric properties of lead iron niobate”. *J. Eur. Ceram. Soc.* 19 : 1873-1881.
- Bhalla, A. S., Guo, R. and Roy, R. (2000). “The perovskite structure a review of its role in ceramic science and technology”. *Mater. Res. Innov.* 4 : 3-26.
- Buchanan, R. C. (1986). *Ceramic materials for electronics*. New York : Marcel Dekker.
- Chewassatn, S. (1995). *Sol gel synthesis of fibers and films of lead titanate based ceramics*. Ph.D. Thesis. The University of Leeds.
- Chien, C. C. and Seshu, B. D. (1993). “Microstructure and properties of lead ferroniobate ceramics $Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ ”. *Mater. Sci. Eng.* B21 : 26-35.
- Chiu, C. C., Li, C. C. and Desu, S. B. (1991). “Molten salt synthesis of a complex perovskite, $Pb(Fe_{0.5}Nb_{0.5})O_3$ ”. *J. Am. Ceram. Soc.* 74, (1) : 38-41.
- Cho, W. S. and Yoshimura, M. (1997). “Hydrothermal synthesis of $PbTiO_3$ films”. *J. Mater. Res.* 12, (3) : 833-839.
- Feng, C. and Schulze, W. A. (1988). “Synthesis and characterization of monosized $Pb(Sc_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ powder”. *Adv. Ceram. Mater.* 3, (5) : 468-472.

- Gao, X., Xue, J. and Wang, J. (2002). "Sequential combination of constituent oxides in the synthesis of $\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$ by mechanical activation". *J. Am. Ceram. Soc.*, 85, (3) : 565-572.
- Gnanasekar, K. I. and et al. (1999). "Electrical and sensor properties of FeNbO_4 : a new sensor material". *Sens. and Actuator. B55* : 170-179.
- Griesmar, P., Papin, C. and Livage, J. (1990). "Sol-gel synthesis of PFN ceramics $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ". *J. Mater. Sci. Lett.* 9 : 1288-1289.
- Guzman, G. and Aegerter, M. A. (1993). "Synthesis of ferroelectric perovskite through aqueous solution techniques". *J. Mater. Sci.* 28 : 6510-6515.
- Haertling, G. H. (1999). "Ferroelectric ceramic : History and Technology". *J. Am. Ceram. Soc.* 82, (4) : 797-818.
- Jenhi, H. and et al. (1998). "Synthesis and characterization of $\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$ by sol-gel and solid state method". *Ann. Chim. Sci. Mat.* 23 : 151-154.
- Jenhi, M. and et al. (1998). "Reaction mechanism in the formation of perovskite $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ by calcining of mixed oxide (CMO)". *Eur. J. Sol. State Inorg. Chem.* 35 : 221-230.
- Kanai, H. and et al. (1998). "Fine grained relaxor dielectric ceramic prepared by hydrothermally synthesized powder". *Jpn. J. Appl. Phys.* 35 : 5122-5125.
- Lesley, S. and Elaine, M. (1996). *Solid state chemistry : An introduction*. London : Chapman & Hall.
- Liu, Q., Yi, G. H. and Barber, D. J. (1999). "Oriented nano-structured $\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$ thin films on $\text{SrTiO}_3(100)$ substrate by a sol-gel technique". *Mater. Lett.* 38 : 239-244.
- Lopatin, S. S., Lupeiko, T. G. and Ivleva, T. L. (1987). "Preparation of lead iron niobate in the presence of melts sodium and potassium chlorides". *Zh. Neorg. Khim.* 32, (40) : 865-868.
- Lu, C. H. and Lo, S. Y. (1997). "Lead pyroniobate pyrochlore nanoparticles synthesized via hydrothermal processing". *Mater. Res. Bull.* 32, (3) : 371-378.
- Mohan, D., Prasad, P. and Banerjee, S. (1996). "Preparation of lead iron niobate by semi-wet route". *J. Mater. Sci. Lett.* 15 : 2149-2152.

- Nair, N. and Roy, R. (1996). "Inorganic lead compounds in electroceramics and glasses". **Am. Ceram. Soc. Bull.** 75, (1) : 77-82.
- Phule, P. P. and Risbud, S. H. (1988). "Synthesis of PFN by chemical route". **Adv. Chem-Mater.** 3 : 183-186.
- Pourroy, G., Malats, I., Riera, I., Poix, P. and Poinsot, R. (1990). "Low temperature synthesis of NbFeO_4 and TaFeO_4 , influence of recrystallization on the magnetic properties". **J. Solid State Chem.** 88 : 476-84.
- Ring, T. A., (1996). **Fundamentals of ceramic powder processing and synthesis**, San Diego : Academic Press.
- Sai Sunder, V. V. S. S., and Umarji, A. M. (1995). "Thermal expansion studies in the lead iron nionate-lead titanate system". **Mater. Res. Bull.** 30, (4) : 427-434.
- Sekar, M. M. A. (1996). "Synthesis and characterization and properties of lead-based relaxor ferroelectrics". **J. Mater. Res.** 11, (5) : 1210-1218.
- Swartz, S. L. and Shrout, T. R. (1982). "Fabrication of perovskite lead magnesium niobate". **Mater. Res. Bull.** 17 : 1245-1250.
- Tena, M. A. and et al. (1996). "Impedance spectroscopy studies of FeNbO_4 ". **J. Mater. Sci.** 31 : 253-264.
- West, A. R. (1981). **Solid state chemistry and its applications**. New York : John Wiley & Sons.
- Yan, M. F. (1981). "Microstructure control in the processing of electronic ceramics". **Mater. Sci. Eng.** 48 : 53-72.
- Yoshikawa, Y. (1996). "Chemical preparation of lead-containing niobate powders". **J. Am. Ceram. Soc.** 79, (9) : 2417-2421.
- Youmee, P. (2002). **Synthesis and characterization of lead iron niobate by novel oxalate method**. Ph.D.Thesis. Chiang Mai University.
- Youmee, P. and Phanichphant, S. (2004). "Synthesis and properties of lead iron niobate (PFN)" **Ceram. Forum Int. / DKG.** 81, (11) : 35-41.

ภาคผนวก

ภาคผนวก

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องวัดการดูคุณลักษณะแสงโดยอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer; AAS) รุ่น AA-6200 ผลิตโดยบริษัท Shimadzu ประเทศไทย
2. เตาอุบ (Hot air) รุ่น ULE 500 ผลิตโดยประเทศไทยพันธ์สารเคมีร้อน
3. เตาเผา (Furnace) ขนาด 1100°C รุ่น RWE 1100 ผลิตโดยบริษัท Carbolite ประเทศไทย
4. เครื่องชั่ง (Balance) 2 และ 4 ตัวแห่งน้ำ รุ่น PG 2002-S ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo ประเทศไทย
5. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้อง (Scanning Electron Microscope; SEM) รุ่น LEO 1450 VP ผลิตโดยบริษัท LEO ประเทศไทยพันธ์สารเคมีร้อน
6. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer; XRD) รุ่น PW 3040/60 X' Pert Pro consoe ผลิตโดยบริษัท Phillips ประเทศไทย
7. เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermogravimetric and Differential Thermal Analyzer; TGA/DTA) บริษัท Shimadzu ประเทศไทย
8. เครื่องวัดความเป็นกรดค้าง (pH meter) บริษัท Metrohm ประเทศไทยสวิตเซอร์แลนด์
9. เครื่องวัดการกระจายตัวของอนุภาค (Particle size analyzer) Malvern S Ver. 2.19 ประเทศไทย
10. เตาเผา (Furnace) ขนาด 1500°C รุ่น RWE 1500 ผลิตโดยบริษัท Carbolite ประเทศไทย

2. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. ไนโอบียมคลอไรด์ (Niobium chloride; NbCl₅) assay 99 % AR grade ผลิตโดยบริษัท Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ไอรอนคลอไรด์ (III) คลอไรด์ (Iron(III)chloride-6-hydrate; FeCl₃.6H₂O) assay min 99 % AR grade ผลิตโดยบริษัท Carlo Erba ประเทศอิตาลี
3. เดคอกไซด์ (Lead oxide; PbO) assay 99 % AR grade ผลิตโดยบริษัท Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide; NH₄OH) 25 % ผลิตโดยบริษัท BDH ประเทศประเทสหราชอาณาจักร
5. เอทานอล (Ethanol; C₂H₅OH) assay 95 % AR grade ผลิตโดย บริษัท Merck ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
6. กรดไนต์ริก (Nitric acid; HNO₃) 69-70.5 % d = 1.42 kg dm⁻³ AR. grade ผลิตโดย บริษัท BDH ประเทศสหราชอาณาจักร
7. กรดไฮdroฟลูอิค (Hydrofluoric acid; HF) 70 % d = 1.68 kg dm⁻³ AR grade ผลิตโดย บริษัท BDH ประเทศสหราชอาณาจักร
8. กรดไฮdroคลอริก (Hydrochloric acid; HCl) 37 %, d = 1.19 kg dm⁻³ AR grade ผลิตโดย บริษัท BDH ประเทศสหราชอาณาจักร
9. สารละลายนามาตรฐานตะกั่ว (Standard solution of lead for AAS) ผลิตโดยบริษัท Merck ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
10. สารละลายนามาตรฐานเหล็ก (Standard solution of iron for AAS) ผลิตโดยบริษัท Merck ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
11. สารละลายนามาตรฐานไนโอบียม (Standard solution of niobium for AAS) ผลิตโดยบริษัท Merck ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

D₁ ແມ່ນ ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລົງກອນ
D₂ ແມ່ນ ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລົງກອນ

S_d ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ໃຫຍ່

$$S_d = (1 - D_1/D_2) \times 100\%$$

ໄລຍະພິບພາດສຳເນົາ (PS) ນີ້ຈະ

ແມ່ນ ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ໃຊ້ສຳເນົານີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ່ນີ້ແລ້ວສຳເນົານີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ່ນີ້

4. ຂັ້ນຕົກສຳເນົາພິບພາດ (Shrinkage measurement)

$$\frac{W_{t(sus)} - W_{t(sat)}}{W_{t(sat)} D_{(1g)}} \times 100\% = \frac{W_{t(sus)} - W_{t(sat)}}{W_{t(sat)} D_{(1g)}} \times 100\%$$

W_{t(sus)} ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ
W_{t(sat)} ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ
D_(1g) ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ (D_(1g) = 1)

ໃຫຍ່

$$\frac{W_{t(sus)} - W_{t(sat)}}{W_{t(sat)} D_{(1g)}} \times 100\% = \frac{W_{t(sus)} - W_{t(sat)}}{W_{t(sat)} D_{(1g)}} \times 100\%$$

ແມ່ນ ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ໃຊ້ສຳເນົານີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ່ນີ້ແລ້ວສຳເນົານີ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ່ນີ້

ອັນດຸກ (Archimedes' principle) ໄຟສູ້ສຳເນົາຈີນຫຼື ອັນດຸກ
ໃຊ້ສຳເນົາ (Archimedes' principle) ໄຟສູ້ສຳເນົາຈີນຫຼື ອັນດຸກ

3. ຄົງກອນທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ประวัติผู้ทำวิจัย

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นายพิทักษ์ อุยมี
(ภาษาอังกฤษ)	Mr. Pitak Yoomee
เลขหมายเลขประจำตัวประชาชน	3-6599-00691-11-2
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
หน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ การศึกษา	ระดับ	อักษรย่อและชื่อเต็ม	สาขาวิชา	ชื่อสถาบัน
2534	ป.ตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538	ป.โท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546	ป.เอก	วิทยาศาสตรคุณภูบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่มีความชำนาญ

เคมีอนินทรีย์สังเคราะห์ วัสดุศาสตร์

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Youmee, P., Phanichphant, S., Ananta, S. and Heimann, R. B., Novel oxalate route to high quality iron niobate fine powders. *Ceram. Forum Int. / DKG*, 2001, 78, E48-E51.

Phanichphant, S., Youmee, P., Kleeberg, R., Ullrich, B., Phase transformation of iron niobate powders and ceramics synthesized by oxalate route *Interceram*, 2003, 52(2), 84-88.

Youmee, P., Phanichphant, S., Ananta, S. and Heimann, R. B., Synthesis and properties of lead iron niobate (PFN). *Ceram. Forum Int. / DKG*, 2004, 81(11), E35-E41.

งานวิจัยที่คีพินพีในการสารระดับชาติ

- Youmee, P., Tunkasiri, T., Rujijanagul, G. and Phanichphant, S., Synthesis of barium titanate powders by sol-gel method. *J. Sci. Fac.CMU.*, 2000, 27(1) 14-23.
- Youmee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Microstructure of lead iron niobate powders synthesized by partial oxalate *J. E. M. S. T.*, 2002, 16, 125-126.
- Youmee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., SEM and XRD investigations of effect of sintering time on phase and morphology of iron niobate ceramic. *J. E. M. S. T.*, 2001, 15, 93-94.
- Youmee, P. and Phanichphant, S., Characterization of perovskite lead iron niobate powders synthesized by partial oxalate. *J. Sci. Fac.CMU.*, 2005, 32(1) 71-76.

งานวิจัยที่คีพินพีในการสารระดับท้องถิ่น

พิกษ์ อุย়ে แลและสุริรัตน์ เตปีนตา การเตรียมซิลิกอนไคลออะไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจาก แกลบในจังหวัดพิษณุโลก. *Research Journal*, 2005, 2(1) 32-39.

เสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- Youmee, P., Rujijanagul, G., Ananta, S. and Phanichphant, S., Phase and morphology investigation of BaTiO₃ powders prepared by a sol-gel route. *7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference, Singapore*, 26-30 June 2000.
- Youmee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Microstructure of lead iron niobate powder synthesized by partial oxalate. *3rd ASEAN Microscopy Conference and 19th Annual Conference of Electron Microscopy Society of Thailand*, 30-1 February 2002.
- Youmee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Characterization of perovskite lead iron niobate powders synthesized by partial oxalate method. *The 8th International Conferences on Ceramic Processing Science, Germany*, 2-5 September 2002.
- Youmee, P., and Phanichphant, S., XRD and SEM studies of fine powders lead iron niobate synthesized by partial sol gel route. *Smart Material 04 of Thailand*, 1-3 December 2004.

ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ

- Youmee, P.**, Ananta, S. and Phanichphant, S., Novel oxalate route to iron niobate fine powders. 26th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, 2000, 107.
- Youmee, P.**, Ananta, S. and Phanichphant, S., Partial oxalate route to lead iron niobate powders. 27th Congress on Science and Technology of Thailand, SongKha, 2001, 135.
- Youmee, P.**, Ananta, S. and Phanichphant, S., Lead iron niobate powders synthesized by oxalate route. 28th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, 2002,
- Youmee, P.**, Caungtong, G. and Phanichphant, S., Sol gel route to iron niobate fine powders. 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, 2004,
- Youmee, P.** and Phanichphant, S., Synthesis and characterization of iron niobate nanopowders by sol gel method. 31th Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, 2005.